Zeitschrift für angewandte Physik einschließlich Nukleonik

EUNTER BAND

JANUAR 1957

HEFT 1

Zylinderreflexionsklystron mit Lechersystem als Schwingungskreis

Von Joachim Koch

Mit 4 Textabbildungen

(Eingegangen am 25. August 1956)

1. Einleitung

Gegen Ende des ersten Weltkrieges entdeckte ARKHAUSEN bei Untersuchungen von Trioden in ylinderform mit negativ aufgeladener Anode hochequente Schwingungen, ohne den Mechanismus dieser chwingungen erklären zu können. Erst etwa 10 Jahre päter wurde diese Erklärung durch eine verhältnisnäßig schwierige Theorie von H. G. MÖLLER, die das rinzip der Phasenfokussierung zur Grundlage hatte, egeben. Die Amerikaner R. H. VARIAN und S. F. ARIAN [7] gingen vom Prinzip der Phasenfokussieung aus und konstruierten im Jahre 1939 eine ziemch komplizierte Röhre mit getrenntem Steuer-, Laufnd Auskoppelraum; die Theorie dazu war dagegen echt einfach. Da bei Fremdsteuerung ein großer Vertärkungsgewinn erwünscht war, wurde ein langer aufraum benötigt, d. h. ein langes, feldfreies Rohr, lurch das ein scharf gebündelter Elektronenstrahl eschickt wurde. Sollte die Röhre, für die die Beeichnung "Klystron" eingeführt wurde, als Geneator benutzt werden, mußten Steuer- und Auskoppelaum, die voneinander getrennte Schwingungskreise parstellten, durch eine Rückkopplungsleitung verounden werden. Der Wirkungsgrad dieser Klystrons petrug nach einer Theorie von Webster [8] in der Grundschwingung maximal 58,2%.

Die einfache Konstruktion der Barkhausenschen Röhre lag also in der Identität von Steuer-, Lauf- und Auskoppelraum, außerdem war die allseitige Elekronenströmung von der Kathode in der Mitte der Röhre sehr vorteilhaft (großer Strom). Die amerikanische Röhre hatte außer ihrem komplizierten Aufbau noch den Nachteil, daß die von der Kathode emittierten Elektronen zu einem engen Strahl gebündelt werden mußten, so daß der für den Schwingungsmechanismus zur Verfügung stehende Strom nicht allzu groß werden konnte. Um der Forderung nach einfacherem Bau zu genügen, wurden die Reflexionsklystrons eingeführt, bei denen Steuer- und Auskoppelraum wieder vereinigt waren, der von diesem getrennte Laufraum sowie der Elektronenstrahl mit seinem geringen Strom jedoch beibehalten wurden.

Das in vorliegender Arbeit beschriebene Zylinderreflexionsklystron stellt eine weitere Rückkehr zur
ursprünglichen BARKHAUSENSchen Form dar, bei der
die Zylinderform wieder aufgegriffen und mit einer
von der Kathode ausgehenden, allseitigen Elektronenströmung gearbeitet wird. Der Steuer- und Auskoppelraum bleibt aber auch hier vom Laufraum getrennt.
Der Schwingungskreis, der gleichzeitig ein Rohrlechersystem darstellt, kann mittels geeigneter Glasdurchschmelzungen nach außen geführt und dort stufenlos
in einem sehr großen Frequenzbereich abgestimmt

werden, während bei den bisherigen Klystrons eine Abstimmung durch mechanische Deformation des Schwingungskreises innerhalb der Röhre erfolgen muß und nur wenige Prozent ausmacht; in noch geringerem Umfange ist sie auch elektrisch möglich. Ein weiterer Vorteil der neuen Röhre besteht darin, daß bei ihr durch geeignete elektronenoptische Maßnahmen das Auskoppelfeld stärker gestaltet ist als das Steuerfeld (verbesserter Wirkungsgrad).

2. Prinzipielle Ausführung der Röhre und Gestaltung des Lechersystems

Die neue Röhre besteht im wesentlichen aus der in der Mitte der Röhre zentrisch angeordneten, langen, zylindrischen Kathode, einem sie umgebenden elektronenoptischen System (Wehneltbleche oder -stäbe, die schwach negativ oder positiv aufgeladen werden). dem mit Schlitzen versehenen Rohrlechersystem und den Reflektoren, die hinter den Schlitzen des Rohrlechersystems angebracht sind. Durch die Wehneltstäbe oder -bleche soll erreicht werden, daß ein möglichst hoher Prozentsatz der von der Kathode emittierten Elektronen die Schlitze des Rohrlechersystems durchsetzt und in den Reflektorraum gelangt, wobei jedoch verlangt werden muß, daß der Gesamtstrom nicht allzu schwach wird. Die Elektronen sollen aus dem Reflektorraum zurückkehren, die Schlitze des äußeren Lechersystems nochmals in umgekehrter Richtung durchfliegen und auf dem Innenring des Rohrlechersystems landen.

Zwischen dem Innen- und Außenrohr des Lechersystems möge bereits eine hochfrequente Wechselspannung liegen, d. h., das Lechersystem schwinge bereits mit kleiner Amplitude, wenn die Elektronen die Schlitze auf dem Hinweg zum Reflektorraum passieren; sie erhalten dabei also eine Geschwindigkeitsmodulation. Im Reflektorraum (Laufraum) können die langsamen Elektronen (kleine Laufzeit¹) die schnellen (große Laufzeit) einholen, und so entsteht aus dem geschwindigkeitsmodulierten Elektronenstrahl ein intensitätsmodulierter, der bei seiner Rückkehr durch die Schlitze in richtiger Phasenlage die Schwingungen des Lechersystems verstärken bzw. anfachen kann (Prinzip der Phasenfokussierung).

Bei dem im Institut für Angewandte Physik der Universität Hamburg gebauten Modell sind an dem Rohrlechersystem 8 Schlitze angebracht. Folglich werden je 8 Wehneltstäbe oder -bleche und Reflektoren benötigt. Es wäre auch möglich, weniger Schlitze und entsprechend weniger Wehneltstäbe oder -bleche anzubringen, wodurch man zwar den von der Kathode

¹ Ein mit kleiner Geschwindigkeit hochgeworfener Stein kehrt schnell zurück.

abgezogenen Strom vergrößern (erhöhter Durchgriff durch die Wehneltstäbe), andererseits — bei gleichen Dimensionen der Wehneltstäbe oder -bleche — den Anteil der die Schlitze durchsetzenden Elektronen im Verhältnis zu den insgesamt emittierten Elektronen

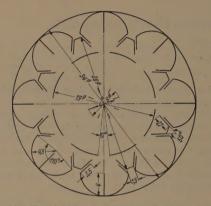


Abb. 1. Querschnitt durch das Klystron (geschlitzter Teil). Die Überlegungen und Versuche, die zu der gezeigten WEHNELFranordnung geführt haben, werden im Abschnitt 3 geschlidert.

beträchtlich vermindern würde. Verändert man nun zur Erzielung einer besseren Bündelung der Elektronen die Wehneltstäbe oder -bleche (z. B. größerer Durchmesser), wird der Durchgriff wieder kleiner. Man sieht also, daß eine Veränderung der Zahl der Schlitze Vor- und Nachteile zur Folge hat, die sich zum großen Teil gegenseitig kompensieren.

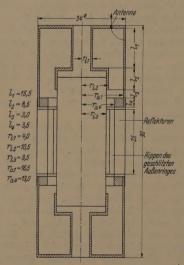


Abb. 2. Längsschnitt durch das Klystron.
Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit sind Kathode und Wenneutanordnung
nicht eingezeichnet. Die nicht geschlitzten Abschlußteile sind in Kupfer,
der geschlitzte Mittelteil in Nickel ausgeführt.

Die beiden geschlitzten Zylinder des Rohrlechersystems sollen nun einerseits möglichst eng beieinanderliegen, um ein nicht zu schwaches, räumlich wenig ausgedehntes Wechselfeld für die Steuerung der Elektronen und die Energieauskopplung zu erzeugen, andererseits soll aber die Kapazität des Rohrlechersystems möglichst klein bleiben, um den noch zu berechnenden Resonanzwiderstand der Röhre groß

werden zu lassen. Um beiden Forderungen zu g nügen, wählen wir die in Abb. 1 (Querschnitt dur das Klystron) gezeigte Form des äußeren Zylinder Die auf den inneren Zylinder zustehenden Spitze sorgen für ein starkes Wechselfeld, während die Kape zität im wesentlichen nur durch die Spitzen und de ihnen gegenüberliegenden Zylinder bestimmt wire Um zu verhindern, daß sich ein größerer Prozentsat der aus dem Reflektorraum zurückkehrenden Elek tronen auf den Außenring des Lechersystems setzt werden an den Reflektoren kleine Spitzen angebracht die den Elektronenstrahl bei seiner Rückkehr wiede in Richtung der Schlitze lenken sollen.

Bei dem oben erwähnten, im Institut für Ange wandte Physik gebauten Modell ist das Rohrlecher system an beiden Enden, an denen sich die Spannungs knoten befinden, in Kupfer ohne Kontaktstellen aus geführt (Abb. 2, Längsschnitt durch das Klystron) Hierdurch wird erreicht, daß der Widerstand an dieser Stellen des maximalen Stromflusses niedrig bleibt. Ein Verschweißen der beiden Zylinder des Lechersystems an den Enden könnte bereits einen erheblich größerer Widerstand und damit größere Dämpfung ergeben die das Anschwingen des Klystrons u. U. vollständig verhindert. Es ist auch möglich, wie bereits in der Einleitung erwähnt, das Rohrlechersystem durch die Glaswände der Röhre zu führen und in einem sehr großen Frequenzbereich durch an den beiden Rohren gut anliegende, breite Schieber (kleine Übergangswiderstände) stufenlos abzustimmen. Die großen Anwendungsmöglichkeiten einer solchen Röhre mit stufenloser Frequenzabstimmung sind offensichtlich.

Wie aus Abb. 1 ferner ersichtlich ist, sind die Schlitze des Innenringes etwas enger gestaltet als die Schlitze des Außenringes. Hierdurch und durch die bereits erwähnten Spitzen (in Abb. 3 mit "S" bezeichnet) der Reflektoren wird erreicht, daß die Elektoren sich weder beim Hin- noch beim Rückflug auf den Außenring des Lechersystems setzen können, während der Innenring breite Landeflächen bietet. Um zu gewährleisten, daß dort ein möglichst großer Prozentsatz beim Rückflug ankommt, sind in der Mitte der Reflektoren kleine Bleche angebracht, die den ankommenden Elektronenstrahl in zwei Teilstrahlen spalten und so zur Seite ablenken, daß die Elektronen an den Seiten der Schlitze zurückfliegen und unmittelbar auf dem Innenring landen.

Die Vorteile dieser Anordnung sind folgende: Zunächst wird vermieden, daß ein wesentlicher Teil der Elektronen durch die Schlitze des Innenringes zurückfliegt und dann noch einmal in das Wechselfeld hineingezogen wird, um ein zweites Mal zu pendeln. Die Phase dieser Elektronen wäre völlig unkontrollierbar, und durch Gegeneinanderarbeiten verschiedenphasiger Elektronen wird die Schwingungsanregung herabgesetzt. Elektronen, die zwar durch die Schlitze des Innenringes zurückfliegen (z. B. in großer Nähe der Kanten oder sehr schräg), sich dann aber von innen her auf den Ring setzen, haben eine etwas größere Bahnlänge und Laufzeit, sind im übrigen aber nicht so störend wie die ein zweites Mal am Pendelprozeß teilnehmenden.

Der weitere Vorteil besteht darin, daß die Auskopplung in einem viel stärkeren Wechselfeld erfolgt als die Steuerung. Nach der Theorie der Klystrons findet günstigste Stromaussteuerung statt, wenn die

dingung

$$rac{\mathfrak{U}_{ ext{Steuer}}}{2\ U} = rac{1,8}{arphi}$$
 ,

er, da günstigste Energieauskopplung bei

attfindet,

$$rac{rac{
m U_{Auskoppl}}{
m U_{Auskoppl}} = rac{3.6}{arphi}$$

füllt ist.

Hierin bedeuten:

steuer = Wechselspannung, mit der die Steuerung erfolgt.

Auskoppl = Wechselspannung, mit der die Auskopp-

lung erfolgt.

= Gleichspannung, die zwischen der Kathode und dem Sattelpunkt der Potentiallinien in der Mitte der Schlitze (vgl. Abb. 3)

liegt.

= Laufwinkel. Ihn erhält man aus der Beziehung $\varphi = \frac{2l}{v}\omega$, wo l die Bahnlänge der Elektronen, v ihre Geschwindigkeit im oben erwähnten Sattelpunkt und ω die Kreisfrequenz bedeuten. Sollen Schwingungen stattfinden, muß aber gleichzeitig die Phasenbedingung $\varphi = \frac{\pi}{2} (4n-1)$ erfüllt sein $(n=1,2,3,\ldots =$ Schwingbereiche).

Für den Schwingbereich n=1 ($\varphi=4,7$) würde sich

$$\frac{\mathfrak{U}_{\text{Steuer}}}{\mathfrak{U}_{\text{Auskoppl}}} = 0,765$$

für den Schwingbereich $n=2 \ (\varphi=11,0)$

$$\frac{\mathfrak{U}_{\mathrm{Steuer}}}{\mathfrak{U}_{\mathrm{Auskoppl}}} = 0.327$$

ergeben. Bei den bisherigen Reflexionsklystrons ist aber praktisch stets

$$\frac{u_{\text{Steuer}}}{u_{\text{Auskoppl}}} = 1$$
,

wodurch sich der maximal erreichbare Wirkungsgrad von 58,2% (vgl. [8]) auf 58,2 $\cdot \frac{2\cdot 1,8}{\varphi}$ vermindert, d. h. für n=1 ($\varphi=4,7$) auf 44,5%, für n=2 ($\varphi=11,0$) auf 19,0%.

Um diese Herabsetzung des Wirkungsgrades zu vermeiden, müßte also Usteuer in anch dem Schwingbereich, mit dem gearbeitet werden soll, einen der oben angegebenen Werte haben. Daher ist es zweckmäßig, den Schwingbereich vor dem Bau der Röhre festzulegen und die Schlitze und Rippen so zu gestalten, daß Usteuer einem dem jeweiligen Schwingbereich angepaßten Wert entspricht. Bei dem erwähnten Versuchsmodell wurde Usteuer etwa dem Schwingbereich 1 entsprechend gewählt.

3. Vorarbeiten zur Festlegung der Elektronenoptik (Wehneltanordnung)

Wie bereits zu Beginn des letzten Abschnittes erwähnt wurde, soll durch die jetzt zu besprechende Wehneltanordnung erreicht werden, daß ein möglichst großer Prozentsatz der von der Kathode emittierten Elektronen in die Schlitze des Rohrlechersystems fliegt, ohne daß der Gesamtstrom zu klein wird. Elektronen, die nicht in die Schlitze fliegen, sondern sich unmittelbar nach ihrer Emission auf den Innenring des Rohrlechersystems setzen, sind für den Schwingungsvorgang verloren und stellen nur eine unerwünschte thermische Belastung der Röhre dar.

a) Elektrolytischer Trog

Wir wollen nunmehr die geometrischen Dimensionen und die Lage der Wehneltstäbe in der Röhre erörtern und dazu einige der im elektrolytischen Trog aufgenommenen Potentiallinienbilder diskutieren. Wir verwenden zunächst zylinderförmige Wehneltstäbe und bringen sie verhältnismäßig nahe an den Innenring des Rohrlechersystems heran. Das Potentiallinienbild zeigt dann, daß auch bei negativer Wehneltspannung ein so stærkes Potentialgefälle rings um die Kathode herrscht, daß die Elektronen aus der Raumladung abgezogen werden. Diese Anordnung hat aber den Nachteil, daß die Elektronen bereits eine verhältnismäßig hohe Geschwindigkeit erreicht haben, wenn sie in die Nähe der Wehneltstäbe gelangen. Infolgedessen können diejenigen von ihnen, die etwa in Richtung der Wehneltstäbe laufen und unter deren Einwirkung eine starke seitliche Ablenkung erfahren, durch das zwischen Wehneltstäben und Rohrlechersystem liegende Feld nur noch wenig in ihrer Richtung beeinflußt werden. Sie werden daher nach Durchlaufen dieses Feldes die Schlitze des Rohrlechersystems außerordentlich schräg durchsetzen, oder, was noch wahrscheinlicher ist, auf dem Innenring des Rohrlechersystems landen und somit verloren sein. Aus diesem Grunde setzen wir die Wehneltstäbe bei weiteren Potentiallinienaufnahmen näher an die Kathode heran und wählen sie etwas dünner, um den von der Kathode abgezogenen Strom nicht allzusehr zu schwächen. Die Potentiallinienbilder zeigen, daß bei negativ aufgeladenen Wehneltstäben das Potentialgefälle in Kathodennähe wesentlich geringer ist als bei positiven. Das ist insofern von Vorteil, als die Elektronen beim Passieren der Wehneltstäbe noch keine allzu große Geschwindigkeit haben; sie erhalten daher nur eine kleine seitliche Geschwindigkeitskomponente und werden durch das folgende starke radiale Feld die Schlitze auch ziemlich radial durchsetzen. Es ist aber insofern ein Nachteil, da bei weitem nicht alle emittierten Elektronen aus der Raumladung abgezogen werden. Bei der Anordnung mit positiven Wehneltstäben verhält es sich umgekehrt; außerdem kommt hier als weiterer Nachteil hinzu, daß die positiven Wehneltstäbe selbst einen gewissen Prozentsatz der emittierten Elektronen einfangen können.

Eine weitere Möglichkeit wäre, ein doppeltes System von Wehneltstäben so anzubringen, daß sich zwischen der Kathode und jeder Rippe des Innenringes zwei hintereinanderstehende Wehneltstäbe befinden. Diese sperren den Elektronenstrom bei negativer Aufladung zwar noch mehr, haben aber bei positiver Aufladung den Vorteil, daß die beim Passieren des ersten Kranzes der Wehneltstäbe gewonnene starke seitliche Geschwindigkeitskomponente beim Durchlaufen des zweiten Kranzes wieder soweit abgeschwächt wird, daß die Elektronen die Schlitze des Lechersystems ziemlich radial durchsetzen können. So wird

ein Elektron, das in einer Potential, rinne" z. B. Richtung auf den ersten linken Wehneltstab genommen hat, ein Stück nach rechts abgedrängt werden und in die Nähe des zweiten rechten Wehneltstabes gelangen, ohne jedoch direkt auf ihn zuzulaufen. Hierdurch erhält das Elektron wieder eine kleine Geschwindigkeitskomponente nach links und wird durch das folgende Feld in den Schlitz hineingezogen.

Schließlich bleibt noch zu erwägen, von der Zylinderform der Wehneltstäbe überhaupt abzugehen und sie durch dünne, radial von der Kathode wegstehende Blechstreifen zu ersetzen. Das stellt in gewissem Sinne eine Weiterentwicklung der eben beschriebenen Anordnung dar, wenn man die zylinderförmigen Wehneltstäbe des ersten und zweiten Kranzes als Begrenzung der Blechstreifen betrachten will. Bei negativer Aufladung der Bleche sollte sich eine sehr

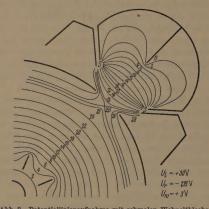


Abb. 3. Potentiallinienaufnahme mit schmalen Wehneltblechen (positiv aufgeladen). Die Potentiallinienaufnahme zeigt nur einen Quadranten aus dem Schnitt durch die Röhre. Die Kathode ist im Verhältnis etwas zu groß dargesteilt, um der Raumladung in der Röhre Rechnung zu tragen. Die Ziffern an den Potentiallinien bezeichnen die Spannungen gegen Kathode.

gute Bündelung der Elektronen ergeben, weil sie mit geringer Geschwindigkeit in die durch die Bleche erzeugte Potential,,rinne" hineingezogen und durch das folgende radiale Feld stark beschleunigt werden. Sie müßten daher genau in die Schlitze hineinlaufen. Leider wird aber wieder infolge des geringen Potentialgefälles in der Nähe der Kathode ein nicht unbeträchtlicher Teil der Elektronen in der Raumladung zurückbleiben (kleiner Durchgriff). Um diese ungünstige Wirkung der Bleche abzuschwächen, kann man sie wesentlich schmäler wählen. Das hat ferner den Vorteil, daß bei positiver Aufladung der Wehneltbleche diese infolge ihrer geringeren geometrischen Ausdehnung auch von einer geringeren Anzahl von Elektronen getroffen werden. Wenn man die Wehneltbleche (positiv aufgeladen) nahe genug an die Kathode heransetzt, wie Abb. 3 zeigt, kann man erreichen, daß trotz des größeren Potentialgefälles in Kathodennähe die Elektronen beim Passieren der Wehneltbleche eine so geringe Geschwindigkeit haben, daß eine Fokussierung durch die Wehneltbleche auf die gewünschte Weise stattfinden kann.

Wir haben somit erkannt, daß es viele Möglichkeiten gibt, die richtungsfokussierenden Wehneltstäbe oder -bleche in die Röhre einzubauen und daß jede dieser Anordnungen Vor- und Nachteile hat. Bevor wir hiervon die endgültige Wahl treffen, müssen wir den Lauf der Stahlkugeln im Gummimembranappar bzw. den Lauf der Elektronen in einem Teilklystruntersuchen und die Anordnung mit maximale Stromdurchgang durch die Schlitze des Leche systems auswählen. Es kann jedoch auf Grund d Potentiallinienaufnahmen im elektrolytischen Traschon jetzt gesagt werden, daß eine restlos befri digende, ideale Anordnung, die nur sämtliche Vortei in sich vereint und gleichzeitig sämtliche Nachtei ausschließt, nicht zu erreichen ist.

b) Gummimembranapparat

Zur Veranschaulichung der Elektronenbahnen in Modell dient der Gummimembranapparat. Er besteh im wesentlichen aus einem stark und gleichmäßig i einem Holzrahmen vorgespannten, dünnen Gumm tuch, das auf eine größere Pertinaxscheibe aufgesetz werden kann. Die Potentiale, die die Elektroden in Betriebszustand besitzen sollen, werden durch ent sprechend lange Metallbleche, die, wie der Querschnit der Röhre, aber in sechsfacher Vergrößerung an geordnet sind und auf das Gummituch drücken, dar gestellt. Als Elektronenmodelle dienen kleine Stahl kugeln, die auf die Kathode gesetzt werden und vor dort aus ihren Lauf beginnen. Die Bahnen der Stahl kugeln können aber stets nur als grobe Annäherung der Elektronenbahnen in der Röhre angesehen wer den, da wegen der Unterlagenreibung und der von der Kugeln aufgenommenen Rotationsenergie (Kreisel effekte) Bahnabweichungen auftreten.

Die in Abschnitt 3a beschriebenen Anordnunger werden mit dem Gummimembranapparat erprobt. E werden jedoch nur Versuchsanordnungen mit negativ geladenen Wehneltstäben oder -blechen (entsprechen langen Metallstäben oder -blechen) verwendet, da posi tive Wehneltanordnungen in Wirklichkeit eine nich unbeträchtliche Anzahl von Elektronen aufnehmer würden, während die Stahlkugeln des Gummimem branapparates in keinem Fall an den entsprechender Metallanordnungen haften bleiben. Bei Versucher mit positiv geladenen Wehneltstäben oder -blechen in Gummimembranapparat dürfte sich mithin ein seh verfälschtes Bild ergeben. Wir sehen daher von ihnen ab, zumal wir später bei Versuchen mit den Teilklystron noch Gelegenheit haben werden, positiv geladene Wehneltanordnungen elektrisch zu prüfen

Die in der Tabelle unten angegebenen Anordnungen werden daraufhin untersucht, ob die auf di Kathode gesetzten Stahlkugeln die Schlitze de Rohrlechersystems durchlaufen oder nicht. Bei Verwendung von 100 Stahlkugeln nacheinander für jed Anordnung werden folgende Resultate erzielt:

	Beschreibung	Zahl der durch die Schlitze hin- durchgelaufenen Stahlkugeln	Zahl der nick durch die Schli hindurchgelau nen Stahlkuge	
Ì	Ein Kranz zylinderförmiger			
	WEHNELTStäbe in Katho-			
	dennähe	74	26	
	Zwei Kränze zylinderförmiger			
	Wehneltstäbe	77	23	
	Breite Wehneltstäbe in Ka-			
	thodennähe	86	14	
	Schmale Wehneltbleche in			
	Kathodennähe	81	19	

Diese Ergebnisse zeigen keine allzu großen Abweichungen voneinander, entsprechen aber ungefäh

Erwartungen, die wir auf Grund der Diskussion Potentiallinienaufnahmen hegen konnten.

c) Teilklystron

Das Teilklystron dient zur weiteren Prüfung der ktronenoptik. Es besteht aus der Kathode, den wechselbaren Wehneltstäben oder -blechen, dem eren geschlitzten Rohr des Lechersystems und em zylinderförmigen Auffänger. Das geschlitzte ir des Lechersystems und der Auffänger liegen positivem Potential, jedoch ist der Auffänger as höher vorgespannt (400 bzw. 500 V), um das ftreten von Sekundärelektronen zu vermeiden. Die ktronen, die durch die Wehneltanordnung gebünt werden, durchlaufen die Schlitze des Innenringes i gelangen zum Auffänger. Ein gewisser Prozentz der emittierten Elektronen wird sich auf den chlitzten Ring setzen, seine Größe soll durch die rsuche bestimmt werden.

Die bereits bei den Gummimembranapparatverhen verwendeten Anordnungen der Wehneltstäbe d -bleche werden nacheinander geprüft, wobei nun ch die Möglichkeit besteht, positiv vorgespannte EHNELTanordnungen zu untersuchen. Die Kathodennperatur muß bei allen Versuchen möglichst konnt gehalten werden und gleich der bei den Hauptrsuchen angewandten sein. Hierdurch wird gleiche umladung in Kathodennähe erzielt und erreicht, B die Elektronen stets von der gleichen Stelle (d. h. eiche Entfernung von der Kathode) an beschleunigt rden (vgl. [1], S. 54). Die Wehneltanordnung ist nn der einzig veränderliche Parameter bei diesen ersuchen, so daß ein einwandfreier Vergleich der rschieden dimensionierten Wehneltstäbe und -bleche öglich wird.

Um die mit dem Teilklystron erzielten Ergebnisse icht mit denen des Gummimembranapparates vereichen zu können, ist in Abb. 4 der Quotient

$\frac{I_{\text{Auffänger}}}{I_{\text{Auffänger}} + I_{\text{Innenring}}}$,

lso der Prozentsatz der durch die Schlitze des Innennges auf den Auffänger geflogenen Elektronen, egen die Wehneltspannung aufgetragen. Damit man ie Fokussierungseigenschaften der Anordnungen uneeinträchtigt erkennen kann, ist der Strom auf die VEHNELTstäbe und -bleche nicht berücksichtigt. Man ieht, daß für $U_w \ge -0.5$ Volt die beste Fokussierung urch breite Wehneltbleche erzielt wird. Am schlechesten fokussieren die Anordnungen mit Wehnelttäben, von denen die Anordnung mit zwei Kränzen och ungünstiger ist als die mit nur einem Kranz, vas eigentlich im Widerspruch zu den Ergebnissen er Gummimembranversuche steht. Eine mögliche Erklärung hierfür stützt sich auf die Tatsache, daß ie Stäbe (dünne Wolframdrähte) sich außerordentlich chwer so straff ziehen lassen, daß sie an jeder Stelle er Röhre genau in der Mitte vor den Rippen des nnenringes stehen. Auf diese Weise können natürich leicht die Potentialverhältnisse verändert und lie Elektronen in ihrem Lauf beeinflußt werden. Im brigen kann man — bei Berücksichtigung der dem Gummimembranmodell anhaftenden Ungenauigkeit ie Übereinstimmung der Ergebnisse des Teilklystrons ait denen des Gummimembranmodells als gut beeichnen.

Anordnungen mit Wehneltstäben erscheinen infolge ihrer aus der Tabelle von S. 4 und aus Abb. 4 ersichtlichen schlechteren Fokussierungseigenschaften für unsere Zwecke als wenig geeignet, und wir schließen sie deshalb von weiteren Betrachtungen aus, zumal die Messungen ferner zeigen, daß die Summe der auf den Auffänger und den Innenring fließenden Ströme keineswegs größer ist als bei Anordnungen mit schmalen Wehneltblechen.

Infolgedessen bleibt uns nur die Wahl zwischen den Anordnungen mit breiten oder mit schmalen Wehneltblechen. Obwohl breite Wehneltbleche, wie aus Abb. 4 ersichtlich, von $U_w \geq -0.5$ Volt an eine etwas bessere Fokussierung ergeben, zeigen die Strommessungen, daß die Summe Auffänger- und Innenringstrom bei Versuchen mit schmalen Wehneltblechen um einen Faktor 2 bis 2,5 größer ist als bei breiten Blechen und zwar auch im Gebiet positiver Wehneltspannungen. Aus diesem Grunde entscheiden wir uns für die schmalen Wehneltbleche und werden an diese

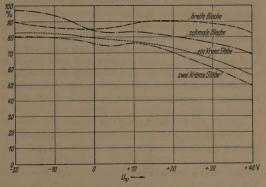


Abb. 4. Graphische Darstellung der mit dem Teilklystron erzielten Ergebnisse Prozentsatz der die Schitze durchfliegenden Elektronen als Funktion der Wehneltspannung bei verschiedenen Wehneltsnordnungen. $U_{\rm Auffänger} = 500 \, {\rm V}. \quad U_{\rm Innenring} = 400 \, {\rm V}. \label{eq:U_auffänger}$

bei den Hauptversuchen eine schwach positive Spannung legen, um einen möglichst großen Strom von der Kathode abzuziehen. Diese Spannung wird sich nach der jeweiligen Spannung am Lechersystem richten. Ihre Einstellung auf den optimalen Wert (d. h. größter Strom durch die Schlitze hindurch) läßt sich auf folgende einfache Weise ermöglichen: Nachdem bei einer beliebigen Spannung am Lechersystem und schwach positiverWehneltspannung Schwingungengefunden sind, wird die Wehneltspannung auf den Wert eingestellt, der die stärksten Schwingungen ergibt.

Abschließend sei noch auf die zunächst merkwürdig erscheinende Form der in Abb. 4 gezeigten Kurven hingewiesen, die bei ca. $U_w = +10 \text{ V}$ ein mehr oder weniger ausgeprägtes Maximum erkennen lassen. Bei negativer Spannung an den Wehneltblechen fliegt zwischen den Blechen ein sehr dünner und schwacher Elektronenstrahl genau auf die Mitte der Schlitze zu. Die Fokussierung ist entsprechend sehr gut. Bei schwächerer negativer Spannung wird der Elektronenstrahl breiter, und der Prozentsatz der durch die Schlitze fliegenden Elektronen nimmt ab. Das kann man sich im einzelnen wie folgt vorstellen: Diejenigen Elektronen, die zunächst Richtung auf die Wehneltbleche genommen haben, durchsetzen trotz des starken radialen Feldes hinter den Wehneltblechen die Schlitze ein wenig schräg. Bei positiver werdender

Wehneltspannung laufen die Elektronen tiefer in das inhomogene Feld in der Nähe der Wehneltstäbe hinein und werden durch diese Inhomogenität trotz positiver werdender Wehneltspannung stärker abgelenkt. Ihr "Überkreuzungspunkt", also die Stelle, an der sie die Mittellinie überfliegen und die im Raum zwischen Innenring und Auffänger liegt, rückt ein wenig auf die Kathode zu, wenn die negative Spannung an den Wehneltblechen geringer wird oder diese positiv vorgespannt werden. Dabei wird bei einer bestimmten Wehneltspannung der Überkreuzungspunkt so liegen, daß die ihn durchfliegenden Elektronen gerade beim Durchsetzen der Schlitze ihre maximale Abweichung von der Mittellinie haben. Es ist daher verständlich, wenn ein Teil dieser Elektronen die Rippen des Innenringes trifft und der Prozentsatz der durchfliegenden Elektronen geringer wird. Wenn sich der Überkreuzungspunkt infolge weiter positiver werdender Wehneltstäbe oder -bleche noch mehr in Richtung auf die Kathode zu verlagert, wird auch die maximale Abweichung von der Mittellinie nicht mehr zwischen den Schlitzen des Innenringes, sondern bereits vorher stattfinden und daher der Prozentsatz der durchfliegenden Elektronen zunehmen, bis schließlich bei noch höherer positiver Spannung die Elektronen in einem so breiten Strahl Richtung auf die Schlitze nehmen, daß die Rippen des Innenringes wieder von einem größeren Prozentsatz getroffen werden, d. h. der Anteil der durchfliegenden Elektronen nimmt erneut ab.

4. Berechnung der Röhre

Als Grundlage für die Berechnung der Röhre (Kapazität, Induktivität, Frequenz, Resonanzwiderstand, Schwingungseinsatzstrom) dienen die Abb. 1 und 2. Wegen der komplizierten geometrischen Form des Rohrlechersystems wird die Frequenz nicht nach den sonst üblichen Lechersystemformeln, sondern als ein aus Induktivität und Kapazität bestehender Schwingungskreis berechnet.

Zur Ermittlung der Kapazität des geschlitzten Teils des Rohrlechersystems, die nicht berechnet werden kann, verwenden wir ein Modell dieses Teils im vergrößerten Maßstab, dessen Kapazität mit einem Kapazitätsmeßgerät gemessen wird. Auf diese Weise wird ermittelt, daß die Kapazität der halben Länge¹) des geschlitzten Teils des Lechersystems 4,87 pF beträgt. Dazu addieren wir noch die Kapazität des sich unmittelbar an den geschlitzten Mittelteil des Rohrlechersystems anschließenden Doppelzylinders der Länge $l_2 + l_3 + l_4$, während wir die Kapazität des Doppelzylinders der Länge l_1 am oberen bzw. unteren Ende des Lechersystems unberücksichtigt lassen. Die Berechnung geschieht nach der Formel für Zylinderkondensatoren, wobei als etwa mittlere Radien r_{ij} und r_{a_1} benutzt werden. Für die gesamte Kapazität erhält man daher:

$$\begin{split} C &= 4.87 \; \mathrm{pF} + \frac{2 \, \pi \, \epsilon_0}{2,303} \, \frac{l_2 + l_3 + l_4}{\log \frac{r_{a_1}}{r_{t_2}}} \\ &= 4.87 + 2.43 \cdot 10^{-13} \cdot \frac{1.50}{0,196} \cdot 10^{12} \, \mathrm{pF} \, . \\ C &= 6.73 \; \mathrm{pF}. \end{split}$$

Die Berechnung der Induktivität erfolgt nach Formel:

$$L = rac{\mu_0}{2\,\pi} \Big(l_1 \lnrac{r_{a_1}}{r_{i_1}} + l_2 \lnrac{r_{a_1}}{r_{i_2}} + l_3 \lnrac{r_{a_1}}{r_{i_3}} + l_4 \lnrac{r_{a_4}}{r_{i_3}} \Big)$$

Die Induktivität des geschlitzten Teils wird ni berücksichtigt. Die Ausrechnung ergibt:

$$L = 5.72 \cdot 10^{-9} \, \mathrm{Hy}$$
.

Aus der Kapazität und Induktivität wird Frequenz wie folgt berechnet:

$$\begin{array}{lll} \omega^2 \ = \ \frac{1}{LO} = \frac{10^{21}}{6.73 \cdot 5.72} = 2.60 \cdot 10^{19} \, \mathrm{sec^{-2}} \\ \omega \ = 5.10 \cdot 10^9 \, \mathrm{sec^{-1}} \\ v \ = 0.812 \cdot 10^9 \, \mathrm{sec^{-1}} \end{array}$$

Zur Berechnung des Schwingungseinsatzstron ist die genaue Kenntnis des Resonanz- und Steu gitterwiderstandes der Röhre erforderlich, die dal zunächst ermittelt werden müssen. Die Berechnu des Resonanzwiderstandes erfolgt nach der Formel

 $\lambda = 36.9 \text{ cm}.$

$$\Re=rac{L}{2\;CR}$$
 ,

wobei der Faktor $^1/_2$ angebracht werden muß, da ungeschlitzten Abschlußteile an den beiden Enden Rohrlechersystems parallel geschaltet sind.

Der Widerstand R ergibt sich aus der Formel:

$$\begin{split} R &= \frac{\sigma_{Cu}}{2\,\pi\,t_{Cu}} \! \binom{l_1 + l_2 + l_3}{r_{a_1}} + \frac{l_4}{r_{a_4}} + \frac{l_1}{r_{i_1}} + \frac{l_2}{r_{i_2}} + \ln\frac{r_{a_1}}{r_{i_1}} \\ &\quad + \ln\frac{r_{i_2}}{r_{i_1}} + \ln\frac{r_{a_1}}{r_{a_4}} + \ln\frac{r_{i_2}}{r_{i_3}} \right) + \frac{\sigma_{Ni}}{2\,\pi\,t_{Ni}} \, \frac{l_3 + l_4}{r_{i_3}} \,. \end{split}$$

 $\sigma=$ spezifischer Widerstand, t= Eindringtiefe der berechneten Frequenz.

Der Widerstand des geschlitzten Teils des Ro lechersystems ist nicht berücksichtigt. Die nume sche Berechnung nach den in Abb. 2 mitgeteil Maßen ergibt:

$$R = 1,256 \cdot 10^{-2} \Omega$$
,

-also für den Resonanzwiderstand:

$$\Re = \frac{1}{2} \frac{5,72 \cdot 10^{-9}}{6,73 \cdot 10^{-12} \cdot 1,256 \cdot 10^{-2}} = 3,39 \cdot 10^4 \ \varOmega \ .$$

Der Steuerwiderstand $R_{\rm Steuer}$ wird wie folgt rechnet (vgl. [1], S. 171—172):

$$R_{ ext{Steuer}} = rac{16\ U}{I_0\ arphi_0^2} \ .$$

In dieser Formel bedeuten:

- $I_0=$ Von der Kathode emittierter Strom, der du die Schlitze des Rohrlechersystems in den I flektorraum fließt, von dort zurückkehrt und den inneren Ring des Rohrlechersystems gelam Wir setzen hier $I_0=20\cdot 10^{-3}\,\mathrm{A}$, weil nach de Vorversuchen mit dem Teilklystron angenomm werden kann, daß bei normaler Heizung und der gewählten Spannung U etwa dieser Strucken die Schlitze fließt.
- $U={
 m Potential differenz}$ zwischen Kathode und Satpunkt innerhalb der Schlitze. Wir wäh U=500 V (mittlerer Wert).
- $\varphi_0 = \frac{b\omega}{v} = \text{Laufwinkel innerhalb des Steuerraum}$ also in den Schlitzen zwischen Innen- u

¹ Es darf nur die *halbe* Länge für die Berechnung verwendet werden, da bei Ermittlung der Induktivität auch nur mit einem nicht geschlitzten Teil des Lechersystems gerechnet wird.

Außenring des Rohrlechersystems. b bedeutet die entsprechende "Steuerstrecke" (ca. 0,3 cm), v =5,95.107 V U die Elektronengeschwindigkeit innerhalb des Steuerraumes und ω die Kreisfrequenz. Eine einfache Umformung ergibt:

$$R_{
m Steuer} = rac{5,66\cdot 10^{16}\ U^2}{I_0\ b^2\ \omega^2}$$

Damit erhält man:

$$R_{\mathrm{Steuer}} = 3.02 \cdot 10^5 \, \Omega$$
.

Für den sich nach der leicht abzuleitenden Formel

$$\frac{1}{\Re_{\mathrm{ges}}} = \frac{1}{\Re} + \frac{1}{R_{\mathrm{Steuer}}}$$

ebenden Gesamtwiderstand errechnet man:

$$\Re_{\mathrm{ges}} = 3.05 \cdot 10^4 \, \varOmega$$
 .

r Schwingungseinsatzstrom wird nach der Formel: $I_0 \geq rac{2}{arphi\, \Re _{
m ges}}$

$$I_0 \geqq rac{2\,U}{arphi\,\Re_{
m ges}}$$

echnet. Da, wie bereits am Ende des zweiten Abnittes erwähnt wurde, das Steuerfeld kleiner als das skoppelfeld gemacht ist und außerdem die Eleknen infolge des innerhalb des Wechselfeldes gelegen Umkehrpunktes nur etwa 80% des Wechselfeldes f dem Hin- und Rückweg durchlaufen, muß an iger Anschwingbedingung noch ein den Schwinngseinsatzstrom vergrößernder Korrekturfaktor anbracht werden, der nach einer überschläglichen schnung für n=1 den Wert $\frac{1}{0.44}$ und für n=2n Wert $\frac{1}{0.40}$ annimmt, wie in der Diplomarbeit von Koch, Institut für Angewandte Physik der Uni-

rsität Hamburg, näher ausgeführt ist. Damit erot sich für den Schwingungseinsatzstrom: $I_{0\,\rm Einsatz} = \frac{2\cdot 500}{4.7\cdot 3.05\cdot 10^4} \; \frac{1}{0.44} = 15.9\cdot 10^{-3} \; {\rm A}$ r den ersten Schwingbereich $(n = 1, \varphi = 4.7)$,

$$I_{0\,\mathrm{Einsatz}} = rac{2\cdot 500}{11.0\cdot 3.05\cdot 10^4} rac{1}{0.40} = 7.45\cdot 10^{-3}\,\mathrm{A}$$
r den zweiten Schwingbereich $(n=2, \varphi=11.0).$

5. Experimentelle Prüfung

a) Wellenlänge

Die experimentelle Prüfung der Wellenlänge gehieht folgendermaßen:

Der kupferne Abschluß des Rohrlechersystems wird, ie Abb. 2 zeigt, durchbohrt und eine Antenne einsetzt, die jedoch nicht abgestimmt zu sein braucht. ie Fläche, die die Antenne innerhalb des Rohrlecherstems umschließt, ist im Verhältnis zu den Dimenonen der Röhre sehr klein (ca. 0,2 cm²). Das bewirkt nerseits, daß die durch Auskopplung hervorgerufene ämpfung gering bleibt, andererseits, daß die Antenne ur sehr wenig abstrahlt. Außerhalb des Rezipienten, möglichst großer Nähe der Röhre, wird ein aus zwei arallelen Messingstangen bestehendes Lechersystem ufgestellt. An einem Ende sind die beiden Pole des echersystems durch einen Kristalldetektor verbunen, außerdem ist an jedem Pol eine kleine Antenne ngelötet, die parallel zu der Antenne des Klystrons eht. Das andere Ende ist mit zwei Buchsen verbunen, an die das als Nachweisinstrument benutzte Galanometer angeschlossen werden kann. Das Lecherystem wird durch eine bewegliche Kapazität (auf dem echersystem verschiebbarer Plattenkondensator) abgeschlossen. Die Stärke des Ausschlages am Galvanometer muß von der Stellung des Kondensators abhängig sein. So werden wir bei gleichbleibender Schwingungserregung maximalen Ausschlag erwarten, wenn der Abstand zwischen Kondensator und Detektor λ/4 beträgt, dagegen minimalen Ausschlag bei einem Abstand von $\lambda/2$. Der auf diese Weise experimentell gefundene Wert beträgt $\lambda = 36.0$ cm, und wir bemerken gute Übereinstimmung mit dem berechneten Wert von 36,9 cm.

b) Schwingungseinsatzströme

Bei den anschließend zu beschreibenden Schwingversuchen werden etwas größere Werte als mittlere Schwingungseinsatzströme ($I_0=25~\mathrm{mA}~\mathrm{für}~n=1$ und $I_0=10~\mathrm{mA}~\mathrm{für}~n=2$) ermittelt als wir bei der Berechnung gefunden haben. Der Grund hierfür liegt darin, daß bei Berechnung des Widerstandes R die Übergangswiderstände zwischen den einzelnen Teilen des Rohrlechersystems (zwischen ungeschlitztem und geschlitztem Teil) nicht berücksichtigt werden können, weil sie rechnerisch praktisch nicht zu erfassen sind. Ein weiterer Grund dürfte in der mechanischen Ungenauigkeit der Schlitze, Rippen, usw. liegen, die durch Verbiegung infolge thermischer Ausdehnung während des Betriebes entstehen kann. Ferner sei bemerkt, daß die Anregung sicher nicht exakt phasenrein ist. Schließlich ist, um keine nennenswerte zusätzliche Dämpfung des Rohrlechersystems zu erzielen, die Auskopplung der Energie - wie bereits beschrieben - so geringfügig gehalten, daß auch bei nur kleinem Ausschlag des Galvanometers auf verhältnismäßig starke Schwingungen in der Röhre geschlossen werden muß. Es ist also durchaus möglich, daß in der Röhre schon Schwingungen kleiner Amplitude stattfinden, wenn am Galvanometer noch kein deutlich sichtbarer Ausschlag wahrzunehmen ist.

c) Schwingbereiche

Nach der Wellenlänge und dem Schwingungseinsatzstrom sollen nun die Spannungen am Lechersystem und am Reflektor, bei denen Schwingungen auftreten, mitgeteilt und die sich daraus ergebenden Laufzeiten und Schwingbereiche erläutert werden. Bei den unten aufgeführten Spannungen werden Schwingungen einwandfrei festgestellt (reproduzierbare Messungen), daneben sind die dazugehörigen Geschwindigkeiten, Bahnlängen, Laufzeiten und Schwingbereiche vermerkt. Die Laufzeiten können nicht nach der sonst bei Reflexionsklystrons häufig angewandten Formel

$$au = rac{4 a}{v}$$

(a = Weg vom Steuerraum zum Umkehrpunkt)

berechnet werden, da diese Formel sich nur auf ein Feld mit ebenem oder zumindest annähernd ebenem Potentialverlauf bezieht. Die Bahnlänge l muß daher für jeden einzelnen Spannungswert ermittelt werden, was am einfachsten anhand der Potentiallinienaufnahme Abb. 3 auf S. 4 geschieht. Man kann auf Grund der dort angegebenen Potentiale ungefähr für jeden Spannungswert den Verlauf der Nullinie im Reflektorraum ermitteln, wobei darauf zu achten ist, daß die unten angegebenen Spannungen U_l die am Lechersystem liegenden Gleichspannungen sind. Diese Werte müssen also noch mit dem Faktor $\frac{25,5}{30}$ = 0,85 (vgl. Abb. 3) multipliziert werden, um

die Spannung U im Steuerraum zu erhalten, mit der alle weiteren Rechnungen durchzuführen sind. Nach Festlegung der Nullinie wird die Bahnlänge annähernd ermittelt, indem man in Abb. 3 auf die angenommene Flugbahn einen biegsamen Draht oder Faden legt, dessen Länge ausgemessen werden kann und noch mit einem Maßstabfaktor zu multiplizieren ist. Daraus errechnet man die Laufzeit zu:

$$\tau = \frac{2l}{v}.$$

Der Faktor 2 tritt auf, weil die Elektronen den Reflektorraum im zeitlichen Mittel mit halber Steuerraumgeschwindigkeit durchlaufen. Dies ist jedoch auch nur ungefähr richtig, da sie die Nullinie und damit die Geschwindigkeit Null nur in einem Feld mit ebenem Potentialverlauf erreichen würden, dagegen in einem Feld mit dem in Abb. 3 gezeigten Potentialverlauf in mehr oder weniger ausgeprägtem Bogen vor der Nullinie umkehren und somit die Geschwindigkeit Null nicht erzielen.

Folgende Werte werden gemessen bzw. errechnet:

<i>v_l</i> (v)	$U_{r}\left(\nabla\right)$	v·10-9 (cm/sec)	l (cm)	τ·10° (sec)	n (ermittelt durch Vergleich mit der Tabelle unten)
340 420 470 680	$ \begin{array}{c c} -5 \\ -22 \\ -10 \\ -5 \end{array} $	1,01 1,125 1,19 1,43	1,325 1,075 1,25 1,40	2,62 1,92 2,10 1,96	3 ? 2 2 2
720 950	$-22 \\ -85$	1,47 1,69	1,15 0,835	1,465 0,99	2?

Berechnet man dagegen die Flugzeit nach der Formel:

$$au = rac{\pi}{2 \, \omega} (4 \; n - 1), \quad (n = ext{Schwingbereich},$$
 $arphi = ext{Laufwinkel})$

die man aus der Phasenbedingung

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \left(4 \; n - 1 \right)$$

gewinnt, so erhält man, wenn für ω der experimentell gefundene Wert gesetzt wird:

n.	φ	τ · 10° (sec)
$\frac{1}{2}$	4,71 11,0 17.28	$0,90 \\ 2,10 \\ 3,30$

Man sieht, daß beim 2., 3., 4. und 6. Wert obiger Tabelle hinreichend gute Übereinstimmung mit den Sollwerten besteht, daß aber beim 1. und 5. Wert erhebliche Abweichungen auftreten. Eine Erklärung hierfür kann man in der Möglichkeit sehen, daß Elektronen aus dem Reflektorraum durch die Schlitze des Innenringes zurückpendeln und erst dann von innen auf das Lechersystem fliegen, wobei ihre Bahnlänge lund Flugzeit τ natürlich etwas größer als in obiger Tabelle angesetzt werden müssen; deshalb kann man annehmen, daß diese Schwingungen den in obiger Tabelle mit Fragezeichen versehenen Schwingbereichen zuzuordnen sind. Diese Erklärung wird noch dadurch gestützt, daß die Schwingungen in den Fällen 1 und 5 bedeutend schwächer sind als in den mit den Sollwerten übereinstimmenden. Auch auf das entsprechend der Formel

 $\tau = \frac{2l}{r}$

theoretisch erwartete Absinken von U_r mit wachs dem U_l beim 2., 3. und 4. Wert (n=2) sei hingewies

Damit ist gezeigt, daß der experimentelle Befund wohl der Wellenlänge, des Schwingungseinsatzstron als auch der Schwingbereiche den theoretischen Erw tungen mit hinreichend guter Genauigkeit entspric

Zusammenfassung

Vorliegende Arbeit beschreibt ein neuartiges Zylderreflexionsklystron, das nicht mehr mit einem dinen, nur in eine bestimmte Richtung laufenden Eltronenstrahl, sondern mit einer allseitigen Elekt nenströmung arbeitet, die von einer langen, zylind förmigen Kathode ausgeht. Die Kathode sowie e Anordnung positiv oder negativ vorgespannter Winelbleche, die die Elektronen auf die Lechersyste schlitze bündeln, befinden sich innerhalb eines schlitzten Rohrlechersystems, das zugleich den Schwgungskreis sowie Steuer- und Auskoppelgitter distellt. Hinter jedem Schlitz des Lechersystems ein Reflektor angebracht.

Auch das neue Klystron arbeitet nach dem Ikannten Prinzip der Phasenfokussierung. Es wünschenswert, daß ein möglichst hoher Prozentst der emittierten Elektronen die Schlitze des Rohrlech systems durchsetzt und am Schwingungsvorgang te nimmt, ohne daß der Gesamtstrom zu klein wird. I zur Erreichung dieses Zieles möglichen Wehneltz ordnungen werden anhand von Potentiallinienar nahmen im elektrolytischen Trog diskutiert und Gummimembranapparat und Teilklystron untersuc Die Anordnung mit den am günstigsten erscheinend Eigenschaften wird in das Klystron eingebaut.

Wellenlänge, Schwingungseinsatzströme und Schwinbereiche des neuen Klystrons werden berechnet ubefinden sich in guter Übereinstimmung mit dexperimentellen Ergebnissen. Es erscheint möglie weitere Formen des neuen Typus zu entwickeln, it besondere ein Klystron, dessen Rohrlechersyste durch die Glaswände der Röhre geführt wird und vaußen auf beliebige Frequenzen innerhalb eines gßeren Bereiches stufenlos abgestimmt werden kan

Diese Untersuchungen, die einen Teil einer Diplo arbeit bilden, wurden im Institut für Angewand Physik der Universität Hamburg ausgeführt. De Leiter des Instituts, Herrn Prof. Dr. H. RAETHER, u Herrn Prof. Dr. H. G. MÖLLER danke ich für wo wollende Unterstützung und Förderung bei der Durc führung der Arbeit.

Literatur. [1] Möller, H. G.: Die physikalischen Grundagen der Hochfrequenztechnik (Band I des Lehrbuches drahtlosen Nachrichtentechnik), Berlin 1955. — [2] Gullach, F. W.: Grundlagen der Höchstfrequenztechnik, Berlip 1950. — [3] Kleen, W.: Einführung in die Mikrowell Elektronik, Stuttgart 1952. — [4] Vinbig, F. und J. Zenner Fortschritte der Hochfrequenztechnik I, Leipzig 1941. [5] Vilbig, F.: Lehrbuch der Hochfrequenztechnik II, Leipzig 1941. [6] Warnecke, R. und P. Guénard: Les tubes él troniques a commande par modulation de vitesse, Paris 1951. [7] Varlan, R. H. und S. F. Varlan: J. Appl. Phys. 10, 1939. — [8] Webster, D.: J. Appl. Phys. 10, 501 u. (1939). — [9] Honerjäger, R.: Naturwissenschaften 38, (1951). — [10] Hagen, C.: Z. für den physikalischen u. che Unterricht 50, 233 (1937). — [11] Brüche, E. und A. Regender L. C. Lechn. Physik 17, 126 (1936). — [12] Brüche, E. v. A. Recknagel: Z. Physik 108, 459 (1938). — [13] Musse Genon, R.: Revue Technique C. F. T. H. 81 (1956).

Joachim Koch, Institut für Angewandte Physik

der Universität Hamburg.

Ein Meßverfahren zur Bestimmung der komplexen Dielektrizitätskonstante bei Wellenlängen von 8 cm bis 80 cm und Temperaturen bis minus 150° C

Von H. K. Ruppersberg

Mit 7 Textabbildungen

(Eingegangen am 5. August 1956)

1. Übersicht

Zur Bestimmung der komplexen D. K. im Mikrovellenbereich verwendet man Resonanzmethoden oder mpedanzmeßmethoden, oder man mißt die Felderteilung im Dielektrikum. Für die Untersuchung on stark verlustbehafteten Flüssigkeiten sind die beilen letzten Methoden besonders geeignet [1].

Resonanzmethoden werden auch verwandt, nur nuß die Flüssigkeit dann in einem Gefäß an bestimmte

Stellen des Hohlraumes gebracht werden.

von Hippel hat neun grundsätzliche Methoden zur D. K. Bestimmung aufgezählt [1]. Das nachfolgende Verfahren gehört zu der Gruppe, bei der die Eingangs-

mpedanz einer Leitung gemessen wird.

Von besonderem Interesse ist die Temperaturvariation, vor allem nach tiefen Temperaturen. Mit Hohlraumresonanzmethoden wurden bereits stark verlustbehaftete Flüssigkeiten bei Wellenlängen von 1 cm bis 10 cm und Temperaturen bis minus 60° C untersucht [2].

Bei Meßverfahren für tiefe Temperaturen treten

folgende prinzipielle Schwierigkeiten auf:

1. Die Meßzelle darf nur mit Verbindungen geringer Wärmeleitfähigkeit mit dem Detektor bzw. der übrigen Meßapparatur verbunden sein. Bei Impedanzmessungen muß eine entsprechende Wellenleitung konstruiert werden. Der Niederschlag von Luftfeuchtigkeit an kalten Metallteilen kann unreproduzierbare Verluste verursachen.

2. Das Volumen der Flüssigkeit in der Meßzelle

kann nur noch schlecht gemessen werden.

Hinzu treten für die Bestimmung der Eingangsimpedanz einer mit stark verlustbehafteten Stoffen gefüllten Leitung noch folgende Schwierigkeiten:

- 3. Die zu benutzenden Leitungslängen sind nur noch sehr klein und schwer zu bestimmen. Der Meniskus der Flüssigkeitsoberfläche muß mit berücksichtigt werden.
- 4. Kleine Inhomogenitäten an den Leitungsenden wirken sich auf die Eingangsimpedenz aus.

Um die nach 3. und 4. auftretenden Schwierigkeiten zu beseitigen, wird ein Kurzschlußschieber für Koaxialleitung benutzt, der folgende Eigenschaften hat:

Der Schieber ist in der Flüssigkeit beweglich, und die Kurzschlußebene befindet sich bis auf $0{,}001\,\lambda$ genau in der Abschlußebene des Schiebers unabhängig von der Wellenlänge und der D. K. der umgebenden Flüssigkeit.

Die Flüssigkeit kann ohne Blasenbildung durch die Radialschlitze des Schiebers hindurchtreten.

2. Kurze Beschreibung des Meßverfahrens

Die Meßapparatur besteht aus einem koaxialen Leitungssystem. Mit dem Kurzschlußschieber K, der in der Flüssigkeit beweglich ist, wird eine bestimmte Leitungslänge eingestellt. Die homogene Ausgangsleitung wird nach unten durch eine Teflonscheibe T

so abgeschlossen, daß der Eingang der Leitung in genügendem Abstand von der Störstelle liegt.

Die ganze Ausgangsleitung ist von einem Dewargefäß überdeckt, welches auf einer Trolitulplatte steht. Nach unten führt ein Trolitulrohr heraus, in welchem eine Wellenleitung mit geringer Wärmeleitung aufgespannt ist. Diese besteht aus einem dünnen Silberbech und einem Silberdraht. Das Trolitulrohr hält die Luftfeuchtigkeit ab und wird durch die Heizung H so beheizt, daß der Wellenleiter immer gleichmäßig gespannt bleibt, auch wenn sich seine Temperatur stark

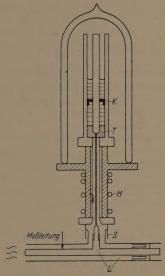


Abb. 1. Schema der Meßapparatur.

ändert. Die Leitung wird mit einem kurzen Leitungsstrecker S an einen regelbaren Leitungstransformator L angeschlossen. Die Eingangsimpedanz der gefüllten Leitung wird über das System Wellenleitung-Leitungsstrecker-Leitungstransformator, welches insgesamt wieder einen regelbaren Leitungstransformator [4] darstellt, in geeigneter Weise auf die Meßleitung transformiert und dort gemessen.

Die Bestimmung der Transformationseigenschaften der gesamten Apparatur zwischen der Ausgangsleitung und der Meßleitung ist unabhängig von Inhomogenitäten innerhalb dieses Systems (z. B. Querschnittsänderungen der Leitung) und unabhängig von der Einstellung des Leitungstransformators.

Es genügen eine bestimmte Anzahl von Kurzschlußverschiebungen auf der leeren Ausgangsleitung, um die Transformationseigenschaften des gesamten Systems zu bestimmen.

Dies geschieht nach den im folgenden beschriebenen Methoden.

 $Me\beta bereich$: Die untere Grenzwellenlänge beträgt nach dem ungünstigsten Querschnitt berechnet etwa

4,4 cm. Der Verwendungsbereich beginnt damit für ε' von 3 berechnet erst bei etwa 8 cm Wellenlänge.

Die obere Grenze wird durch die Länge der Ausgangsleitung bestimmt, die zur Bestimmung der Transformationseigenschaften der Apparatur etwa λ/3 lang sein muß. Die obere Grenze liegt dann etwa bei einer Wellenlänge von 80 cm. Der Verlustwinkel ist von tg $\delta = 0.01$ bis zu tg $\delta > 1$ meßbar. Für die Aufnahme einer Meßreihe bis minus 150° C ist etwa ein halber Liter flüssige Luft erforderlich.

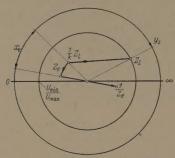


Abb. 2. Bestimmung von Ze im Einheitskreis.

3. Die Bestimmung der komplexen D. K.

Zur Definition der komplexen Dielektrizitätskonstanten gebraucht man folgende Größen:

E = elektrische Feldstärke

 $\mathfrak{D} = Verschiebungsdichte$

 $\mathfrak{F} = ext{Stromdichte im Dielektrikum hervorgerufen}$

 $\sigma = \text{Leitf\"{a}higkeit}$ im Dielektrikum

 $\varepsilon_0 = \text{Influenzkonstante}$

© = Gesamtstromdichte.

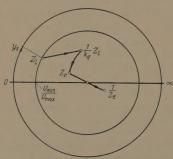


Abb. 3. Bestimmung von Z_e im Einheitskreis.

Im Dielektrikum gilt für die Feldgrößen E, D, J, C, die mit der Kreisfrequenz ω von der Zeit abhängen, folgende Beziehung:

$$\mathfrak{C} = \frac{d\mathfrak{D}}{dt} + \mathfrak{J} = (i \omega \, \varepsilon_0 \, \varepsilon' + \sigma) \, \mathfrak{E} = i \, \omega \, \varepsilon_0 \, \varepsilon \, \mathfrak{E}.$$

Damit definiert man die komplexe Dielektrizitätskonstante ε

$$\varepsilon = \varepsilon' - i \; \varepsilon'' = \varepsilon' - i \; \frac{\sigma}{\omega \; \varepsilon_0}$$

mit ε' = Dielektrizitätskonstante

 $\varepsilon'' = \text{Verlustfaktor oder Absorption.}$

Der Zusammenhang zwischen der komplexen D. K. und der relativen Eingangsimpedanz Z_e einer mit einem Dielektrikum gefüllten kurzgeschlossenen Leitung der Länge l ergibt sich dann aus den Leitung gleichungen zu

$$Z_{\varepsilon} = \frac{1}{\sqrt{arepsilon}} \, \mathfrak{T} \mathrm{g} \left(i \, rac{2 \, \pi}{\lambda} \, l \, \sqrt{arepsilon}
ight)$$

 $\lambda = \text{Vakuumwellenlänge}$. Wenn Z_e gemessen ist, kan man dann aus einem Diagramm von $z \operatorname{\mathfrak{C}tg} z$ das ε be stimmen [1].

Die Transformationseigenschaften der Apparatu werden folgendermaßen bestimmt.

Man verschiebt den Kurzschluß um x auf der leere Ausgangsleitung und mißt die dazugehörige Span nungsknotenverschiebung y auf der Meßleitung une erhält eine Transformatorsatzkurve der Form [5]

$$\label{eq:tg_def} \operatorname{tg} \frac{2\,\pi}{\lambda} \left(y - y_1 \right) = k \operatorname{tg} \frac{2\,\pi}{\lambda} \left(x - x_1 \right).$$

Damit sind alle Transformationseigenschaften de Meßapparatur bestimmt.

Aus der Transformatorsatzkurve erhält man nach [5] die Bezugspunkte x_1, y_1 auf der leeren Ausgangs leitung und der Meßleitung, zwischen denen die Meß apparatur einen idealen Transformator darstellt und die Transformationszahl k, das Übersetzungsverhältnis des Transformators.

Zur Bestimmung von ε geht man dann folgendermaßen vor. Man füllt die Ausgangsleitung mit dem zu untersuchenden Stoff und stellt eine bestimmte Leitungslänge ein. Dann mißt man auf der Meßleitung das stehende Wellenverhältnis $\frac{U_{min}}{U_{max}}$ und den Ab stand y_s des Spannungsknotens vom Bezugspunkt

Mit diesen Größen geht man dann in das Einheitskreisdiagramm (Smith-chart) ein und erhält die Impedanz Z im Bezugspunkt der Meßleitung. Diese Impedanz Z dividiert man durch k und erhält die Impedanz im Bezugspunkt der Ausgangsleitung. Von dort geht mar um x_e bis zum Leitungseingang weiter (x_e = Abstance des Leitungseingangs vom Bezugspunkt) und finder die Eingangsimpedanz Z_e der gefüllten Leitung (Ab bildung 2). Daraus bestimmt man dann das $\varepsilon = \varepsilon$

 $-i \varepsilon''$ Ein anderes Ersatzschaltbild der Apparatur ist durch einen Transformator gegeben, welcher zwischen dem Eingang der gefüllten Ausgangsleitung und einem bestimmten Bezugspunkt auf der Meßleitung liegt, und dem sekundärseitig ein Blindwiderstand iq 2 in Serie geschaltet ist [6].

Das Übersetzungsverhältnis k_q und der Serienwiderstand iq_2 ergeben sich nach [6] aus der Trans formatorsatzkurve.

Zur Bestimmung von ε geht man folgendermaßer vor (Abb. 3). Bei gefüllter Ausgangsleitung mißt mar auf der Meßleitung das stehende Wellenverhältnis $\frac{U_{max}}{\tau \tau}$ und den Abstand y_s des Spannungsknotens vom Bezugspunkt. Mit diesen Größen geht man in der Einheitskreis ein und erhält die Impedanz Z_i im Be-

Man dividiert durch k_q und subtrahiert iq_2 und er hält die Eingangsimpedanz Z_{ε} der gefüllten Leitung Aus Z_{ε} berechnet man wie vorher $\varepsilon=\varepsilon'-i~\varepsilon''$.

zugspunkt der Meßleitung.

Man kann bei vorgegebener Eingangsimpedanz Z immer eine Transformation finden, die auf der Meß leitung ein besonders gut meßbares stehendes Wellenverhältnis $\frac{U_{min}}{U_{max}}$ liefert.

4. Aufbau der Apparatur

Der hier benutzte Kurzschlußschieber [3] hat am menleiter keine Kontaktfedern und besteht aus einem adrehten, zylindrischen Messingkörper, der radial zerhnitten ist (Abb. 4).

Eine in einer Rinne liegende Spiralfeder A oder ein ummiband hält die einzelnen Teile zusammen und bt eine Kraft nach innen aus. Man hat einen Hebel, er in den Kontaktpunkten B und C einen starken ruck ausübt.

Durchmesser der Kontaktfinger $D_2=18$ mm; änge der Kontaktfinger b=3 mm; Durchmesser des Jußenleiters $D_1=20$ mm; Durchmesser des Inneniters d=8 mm.

Ist der Schieber von Luft umgeben so beträgt die apazitive Verschiebung a der Kurzschlußebene für $> 80~\mathrm{mm}$

$$a = b \left(1 - \frac{\log |D_2/d|}{\log |D_1/d|} \right) \approx 0.3 \text{ mm}.$$

Die Induktivität an den Kontaktfingerenden kompeniert diese Verschiebung. Befindet sich der Schieber n einem Stoff der komplexen D. K. ε , so erhält man lie kapazitive Veränderung α der Kurzschlußebene les Schiebers nach folgender Beziehung

$$\log \frac{D_1}{d} \, \mathfrak{Tg} \left(\!\!\! \left(\!\!\! \frac{2 \, \pi}{\lambda} \, \left(b - a \right) \, \sqrt{\varepsilon} \!\!\! \right) \! = \! \log \frac{D_2}{d} \, \mathfrak{Tg} \left(\!\!\! \left(\!\!\! \frac{2 \, \pi}{\lambda} \, b \, \sqrt{\varepsilon} \!\!\! \right) \!\!\! \right).$$
 Wir setzen

ir setzen

$$\left|\frac{2\pi}{\lambda}b\right| = x \quad \lambda = 80 \text{ mm} \quad \left|\varepsilon\right| = 6 \quad \left|\frac{a}{b}\right| \approx 0.1 ,$$

$$egin{aligned} rac{2\pi}{\lambda} a &= x \Big(1 - rac{\log\,D_2/d}{\log\,D_1/d} \Big) + x^3 \,rac{arepsilon}{3} \Big(rac{\log\,D_1/d}{\log\,D_1/d} - \Big(1 - rac{a}{b}\Big)^3\Big) \ &|a| = b \left(1 - rac{\log\,D_2/d}{\log\,D_1/d} \Big) + 0,\!07\,\mathrm{mm}\;, \end{aligned}$$

d. h. das a ändert sich maximal um 0,07 mm, wenn der Kurzschluß von einem Dielektrikum umgeben wird. Die Leitungslänge wird also absolut höchstens um 0,001 λ falsch, wenn man dieselbe Kurzschlußebene für den Schieber mit und ohne Dielektrikum annimmt.

Um den Kurzschlußschieber zurückziehen zu können, wurde in eine innere Nut (siehe Abb. 4) ein Ring lose eingelegt, an dem zwei Drähte befestigt sind.

Die im Trolitulrohr aufgespannte Wellenleitung mit geringer Wärmeleitung ist eine konzentrische, inhomogene Leitung von etwa 20 cm Länge. Der Außenleiter besteht aus einem 0,1 mm starken Blech, welches von Hand zu einem Röhrehen von 5 mm Durchmesser zusammengebogen wurde. Um Verspannungen beim Abkühlen und zusätzliche Wärmeleitung zu vermeiden, wurde das Blech nicht zusammengelötet. Die Ungenauigkeiten des Röhrchens, die durch seine Herstellung verursacht werden, (ungenauer Durchmesser, Verbiegungen des Schlitzes usw.) wirken sich bei diesem Meßverfahren nicht aus. Der Innenleiter besteht aus einem Silberdraht von 1 mm Dicke. Zur Erhöhung seiner Elastizität wurde in das Ende zum Sender ein kleiner Knick gebogen.

Durch die im folgenden beschriebenen Transformationsverhältnisse machen sich die Verluste des gesamten Leitungssystems hauptsächlich durch einen kleinen Serienwiderstand $r_s \approx 0.02\,Z_0$ bemerkbar, welcher ungefähr im Wellenwiderstandssprung an der Ausgangsleitung liegt. ($Z_0 =$ Wellenwiderstand der Ausgangsleitung). Die Teflonscheibe an dieser Stelle ist mit einem unlöslichen Fett abgedichtet, dessen Ver-

luste einen kleinen Beitrag zu r_s liefern. Wenn das Strommaximum nicht in der Nähe dieses Querschnittes liegt, braucht man r_s nicht zu berücksichtigen; sonst wird dieser Betrag an der entsprechenden Stelle subtrahiert.

Beim Abkühlen der Apparatur ist folgendes zu berücksichtigen. Trolitul hat einen bedeutend größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten als Silber. Etwa ein Sechstel des Trolitulrohres befindet sich innerhalb des Dewargefäßes auf tiefer Temperatur. Der andere Teil außerhalb wird so beheizt, daß die dünne Wellenleitung innerhalb des Rohres immer angespannt bleibt und keine Verbiegungen er-

leidet. Durch eine kleine Verbiegung ändert sich sofort die stehende Welle auf der Leitung. Dies benutzt man zur Eichung der Heizung. Man regelt beim Abkühlen die Heizleistung so, daß bei fest eingestelltem Kurzschluß: auf der leeren Ausgangsleitung das Spannungsminimum auf der Meßleitung immer an derselben Stelle bleibt. Man benötigt dazu maximal etwa 4 Watt.

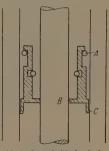


Abb. 4. Querschnitt durch den Kurzschlußschieber.

Eine um 20% falsche Einstellung der Heizleistung wirkt sich dabei noch nicht auf die Bestimmung von ε aus.

5. Einstellung der Transformation

Die Transformationseigenschaften der Wellenleitung mit geringer Wärmeleitung variieren mit der Wellenlänge (Maximal $k \approx 12$). Da wir ungefähr ein symmetrisches Gebilde haben, werden sich bei bestimmten Wellenlängen die Transformationseigen-

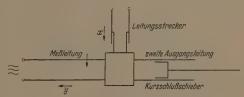


Abb. 5. Regelbarer Leitungstransformator,

schaften der beiden Hälften etwa kompensieren, d. h. die Transformationszahl ist dann am kleinsten. Die Leitungsübergänge sind so dimensioniert, daß an ihnen möglichst keine zusätzliche Transformation stattfindet.

Die Transformationszahl k der gesamten Apparatur muß für genaue Messungen bis zu einer kleinen Zahl herunter regelbar sein. Darum wird die Wellenleitung mit geringer Wärmeleitung über einen Leitungsstrecker an einen regelbaren Leitungstransformator (zweite Ausgangsleitung mit Kurzschlußschieber) angeschlossen. Man legt dabei ihre Bezugsstelle ungefähr so in eine Bezugsstelle des regelbaren Leitungstransformators, daß die vorherige Transformation mit einem großen k>1 durch eine Transformation mit dem regelbaren k<1 wieder rückgängig gemacht wird. Die entsprechende Einstellung des regelbaren Leitungstransformators findet man unter den in [4] beschriebenen Gesichtspunkten folgendermaßen.

Man schließt den Leitungsstrecker mit einem Kurzschluß ab und nimmt zwischen der Ausgangsleitung mit dem Leitungsstrecker und der Meßleitung zwei Transformatorsatzkurven auf bei etwa um λ/8 verschiedenen Kurzschlußschieberstellungen auf der zwei-

Abb. 6. Meßverfahren für feste Stoffe.

ten Ausgangsleitung. Im Schnittpunkt $x = x_0, y = y$ der beiden Kurven gilt $\frac{dy}{dx} = c$.

Bei vorgegebener Transformationszahl k gilt für di gesuchte Bezugsstelle x₁ auf der Ausgangsleitung:

$$x_1 = x_0 + \frac{\lambda}{2\,\pi} \mathrm{arc} \ \mathrm{tg} \ \sqrt{\frac{c-k}{k\,(1-c\,k)}} \ .$$

Man legt einen Kurzschluß an diese Stelle und ver schiebt den Kurzschlußschieber auf der zweiten Aus gangsleitung so, daß der Spannungsknoten in den Bezugspunkt y_1 der Meßleitung liegt:

$$y_1 = y_0 + \frac{\lambda}{2\pi} \mathrm{arc} \ \mathrm{tg} \left[k \ \mathrm{tg} \, \frac{2\pi}{\lambda} \left(x_1 - x_0 \right) \right].$$

Ist die gesamte Apparatur auf diese Weise einmal eingestellt, so stellt sie wiederum einen regelbaren Leitungstransformator dar, der durch den Kurzschluß: schieber auf der zweiten Ausgangsleitung dann beliebig regelbar ist. Kontrollmessung: Die Eingangsimpedanz der Lei-

tung durchläuft im Einheitskreis eine Spirale, wenn man die Leitungslänge ändert. Wie man leicht anhand des Einheitskreises sieht, gibt es dann je nach der Größe von ε' und ε'' gewisse Werte der Leitungslänge und der Transformation, die ein besonders gut Umin auf der meßbares stehendes Wellenverhältnis Meßleitung hervorrufen. Bei großem e'' erhält man

für größere Längen leicht Wellenwiderstandsabschluß d. h. für die Eingangsimpedanz Z_e gilt dann $Z_e = 1/\sqrt{\varepsilon}$.

Eine gute Kontrolle der Richtigkeit der Meßergebnisse erhält man wenn man bei sehr verschiedenen Leitungslängen dieselbe D.K. mißt Da dann praktisch die Eingangsimpedanz in der ganzen komplexer Ebene variiert, und die Feldverhältnisse in de ganzen Apparatur sich dadurch ändern, sieh man eindeutig, ob mar die Transformationseigenschaften richtig er faßt hat.

6. Ein Meßverfahren für feste Stoffe

In Anlehnung an ein anderes Meßverfahrei für kleine Stoffmenger [7] kann man ein Ver fahren zur Bestimmung der komplexen Dielek trizitätskonstanten voi stark verlustbehafteter Stoffproben in Scheiben form angeben. Man ver wendet dazu die Kon struktion nach Abb. 6.

a) Mit dem Kurz schlußschieber wird ein

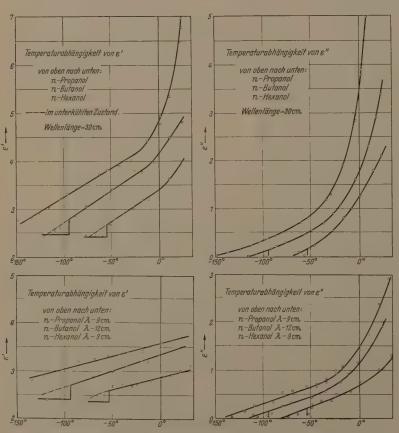


Abb. 7. Anwendungsbeispiel; Die Temperaturabhängigkeit der D. K. von Alkoholen im Dezimeterwellenbereich.

ansformatorsatzkurve aufgenommen und der Begspunkt auf der Transformatorsatzkurve beim Andag in AB bestimmt.

b) Man schiebt den Schieber mit dem Innenleiter 2 rück, hebt die obere Hälfte der Leitung ab und legt

Stoffprobe auf den Innenleiterstumpf 1.

c) Man setzt die obere Hälfte wieder auf, verschiebt il 2 mit dem Kurzschluß bis zum Aufsetzen auf die heibe. Man hat dann einen Meßkondensator, der n der Scheibe ausgefüllt ist und dessen Admittanz Ach der vorher bestimmten Transformation auf der eßleitung erscheint.

Die Division durch die Admittanz des leeren ondensators A_0 ergibt nach kleineren Korrekturen [7]

e komplexe D. K.

$$arepsilon = arepsilon' - i \; arepsilon'' = rac{A}{A_0} \left[1 + rac{1}{2} \left(rac{\pi}{\lambda} \; r
ight)^2 - rac{A}{2 \, A_0} \left(rac{\pi}{\lambda} \; r
ight)^2
ight],$$
o $r = \mathrm{Radius}$ des Innenleiters.

Zusammenfassung

Die Eingangsimpedanz einer Koaxialleitung, die it einer zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllt ist, ird über einen regelbaren Leitungstransformator auf ne Meßleitung transformiert. Um diese Impedanz nabhängig von dem Volumen und dem Meniskus der Flüssigkeit zu machen, wird ein Kurzschlußschieber verwendet, der in der Flüssigkeit beweglich ist, und dessen Kurzschlußebene unabhängig von der Wellenlänge und dem umgebenden Dielektrikum immer in der Schieberabschlußebene liegt. Die gefüllte Leitung befindet sich in einem Dewargefäß und ist nur über eine luftdichte Verbindung von sehr geringer Wärmeleitfähigkeit mit der Meßleitung verbunden. Diese Verbindung stellt einen Leitungstransformator dar. Die Methode ist vor allem für stark verlustbehaftete Stoffe geeignet. Der mechanische Aufwand ist verhältnismäßig klein. Der Meßfehler beträgt je nach Versuchsbedingungen 1-5%. Für feste Stoffe wird ein Meßverfahren für Stoffproben in Scheibenform angegeben. Der Verfasser dankt Herrn Prof. Dr. G. ECKART und Herrn Prof. Dr. G. Klages für eingehende Diskussion.

Literatur. [1] HIPPEL, A. von: Dielectric materials and applications. Chapman & Hall, London 1954, 70 u. 64. — [2] Brot, C.: Comptes rendues, 239, 161 (1954) u. 240, 1990 [2] BECT, C. COMPUSE REIGHTES, 256, 1047 [1959] M. 249, 1850.
[1955]. — [3] RUPPERSBERG, H. K.: A. E. Ü. 10, 358 (1956). —
[5] WEISSLOCH, A.: Hochfrequentzechnik u. Elektroak. 60, 67 (1942). — [6] LUEG, H.: A. E. Ü. 8, 137 (1954). — [7] LUEG, H. und H. K. RUPPERSBERG: A. E. Ü. 9, 533 (1955).

Dr. H. K. RUPPERSBERG,

Physikalisches Institut der Universität Saarbrücken.

Erfahrungen mit einer vakuumdichten Absperrvorrichtung zum wiederholten Gebrauch aktivierter Oxydkathoden

Bei Untersuchungen über Kathodenzerstäubung iußte das Zerstäubungsgefäß, in dem eine Oxydkanode als Elektronenquelle für einen Ar-Niederdruckogen diente, notwendigerweise nach jedem Verach geöffnet werden. Um nun eine Berührung er aktivierten Kathode mit dem Sauerstoff der uft zu vermeiden, fand eine Absperrvorrichtung inwendung. Diese bestand in einem Metallzylinder, er vor dem Öffnen des Gefäßes über die Kathode eschoben werden konnte und sie vakuumdicht abchloß. Die Vorrichtung ist in nebenstehender Aboildung I dargestellt, die einzelnen Teile haben folende Funktionen:

Die Bodenplatte von Zylinder 1 trägt ein in Form ines kleinen Zylinders ausgebildetes Widerlager, iber das sich eine zylindrische Aussparung am unteren Ende der Verschlußhaube soweit schieben läßt, bis die Jummidichtung auf der Oberkante des Widerlagers ufsitzt. Das Anpressen der Gummidichtung an das Gegenlager mittels Schraubdruckes (Gewinde im Verschlußteil des Zylinders 4!) führt schließlich zum luftlichten Abschluß der Oxydkathode. Die gut polierte Führungsstange aus Silberstahl läßt sich durch Einfüllen von einigen cm³ Hochvakuumöl in die von zwei Simmerringen gebildete Kammer (Zylinder 4) zuverlässig abdichten. Nachteilige Folgen durch die Öllichtung traten bei den Messungen nicht in Erschei-

Die Kathodenverschlußvorrichtung erwies sich im Verlaufe der Untersuchungen als recht brauchbar: Mit

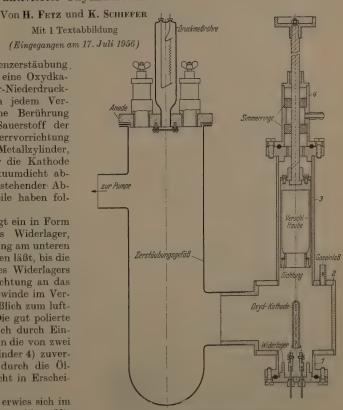


Abb. 1. Schematische Darstellung der Anordnung.

einer Oxydkathode¹ wurden immerhin ca. 200 Betriebsstunden erreicht, wobei das Zerstäubungsgefäß insgesamt etwa 80mal geöffnet worden war. Für die geringe Lebendsdauer der Oxydkathode ist nicht das Öffnen des Gefäßes verantwortlich zu machen, sondern die relativ hohe Bogenspannung; denn die auf die Kathode auftreffenden Ar-Ionen zerstören infolge ihrer großen kinetischen Energie (30 eV) allmählich die emittierende Schicht ("Trommeleffekt").

Anmerkung

Im Zusammenhang mit den Zerstäubungsuntersuchungen in Ar sei noch auf folgende Beobachtung hingewiesen: Während der Zerstäubung von Edelmetallen (z. B. Ag, Au, Pt) fiel ein zunächst unerklärlicher Rückgang der Elektronenemission auf, der bisweilen zum vorzeitigen Abbruch der Zerstäubungsversuche zwang. Hingegen ließen Metalle mit großer Sauerstoff-Affinität (z. B. Be, Al, Ti, Ta) den umgekehrten Effekt erkennen. In beiden Fällen war die Brennspannung ein empfindlicher Indikator für die Änderung der Elektronenemission.

Die eben beschriebene Beobachtung kann folgendermaßen gedeutet werden: Einzelne abgestäubte Atome oder Atomgruppen erhalten im Plasma eine positive

Aufladung und vermögen infolge des zwischen And und Kathode bestehenden elektrischen Feldes, letzt zu erreichen. Vermutlich gehen nun die Edelmetalle 1 dem Barium der Oxydkathode eine Legierung ein, zu einer Erhöhung der Elektronenaustrittsarbeit u damit zu einer Verschlechterung der Emission füh Hingegen wirken Metalle mit einer großen Sauerste Affinität reduzierend auf das BaO, was eine Verb serung der Elektronenemission zur Folge hat.

Für die Zerstäubungsversuche ließ sich aus ve stehender Beobachtung folgende praktische Nutza wendung ziehen: Hatte im Verlaufe einer Zerstä bungsmessung ein Element die Emission der Kathon verschlechtert, so wurde anschließend ein Material m reduzierender Wirkung zerstäubt, das dann eine Reak: vierung der Kathode bewirkte. Ohne diese Maßnahr hätte die Kathode wesentlich öfter ausgewechse werden müssen.

Zusammenfassung

Es wird eine Vorrichtung beschrieben, die es ermö licht, eine aktivierte Oxydkathode vor der schäd genden Wirkung durch die Atmosphäre zu schütze Einige Erfahrungen über das Verhalten einer Ba-Oxyo kathode bei Untersuchungen über die Kathodenze stäubung werden angegeben.

> Prof. Dr. H. Fetz und Dipl. Phys. K. Schiefer, Physikalisches Institut der Universität Würzburg.

Ein Gerät zur Messung von Dampfdrucken unter 1 · 10⁻² Torr

Von A. HERLET und G. REICH

Mit 10 Textabbildungen

(Eingegangen am 16. Juli 1956)

Bezeichnungen

- Dampfdruck; $_{G}^{p}$
- Verdampfungsgeschwindigkeit;
- RAllg. Gaskonstante;
- TAbsolute Temperatur; MMolekulargewicht;
- Erdbeschleunigung; g
- Halber Öffnungswinkel des Molekularstrahles; α_0
- Zahl der Moleküle pro Volumeneinheit; 22
- mMolekülmasse;
- Mittlere thermische Geschwindigkeit;
- $S(\alpha_0)$ Aufdampfgeschwindigkeit auf die Waagschale;
- Querschnitt der Ofenöffnung;
- $K(\alpha_0)$ Kraft des Molekularstrahles auf die Waagschale;
- Länge des Waagebalkens;
- kVerhältnis von mechanischer zu elektrischer Empfindlichkeit der Waage;
- Masse der Eichgewichte: ĮΕ
- Kondensationskoeffizient;
- J Trägheitsmoment der Waage;
- DDämpfungskonstante:
- Direktionsmoment der Waage;
- Schwingungsdauer der Waage; Dynamische Galvanometerkonstante:
- $egin{array}{c} au_0 \ arGamma \ N \ R_i \end{array}$
- Drehmoment:
- Innerer Widerstand der Drehspule;
- R_k Kompensationswiderstand;
- y Kompensationsfaktor;
- Verstärkungsfaktor des offenen Regelkreises;
- A, BKonstanten zur Bestimmung der Dampfdruckkurve;
- Verdampfungswärme.

1. Allgemeiner Überblick

Die Messung von Dampfdrucken erstreckt sich übe einen Druckbereich von 10⁻⁷ Torr bis zu einige 100 Atm., also über rund 15 Zehnerpotenzen, eine Temperaturbereich von wenigen Grad abs. bis einig 1000 Grad und umfaßt eine fast unübersehbare Fül von Substanzen und Anwendungsmöglichkeiten. Be sonders die Dampfdruckmessung im Bereich kleinste Dampfdrucke von etwa 10⁻² bis 10⁻⁷ Torr gewinnt i den letzten Jahren für Strukturuntersuchungen au dem Gebiet der organischen Chemie, für die Klärun von Destillationsfragen und besonders durch di stürmische Entwicklung der Hochvakuumphysik un -technik wachsende Bedeutung.

Die hauptsächlichen Schwierigkeiten, die sich dabe experimentell ergeben, sind folgende:

- 1. Die Kleinheit der zur Verfügung stehende Kräfte,
- 2. die Forderung nach einem möglichst große Meßbereich,
- 3. die starke Abhängigkeit des Dampfdruckes von der Temperatur, die eine sorgfältige Temperatur messung und Konstruktion des Verdampferofens be dingt,
- 4. die Erzielung und Einhaltung sauberer Vakuum bedingungen.

Der Vielfalt der Problemstellungen entspricht ein Fülle von verschiedenartigen experimentellen An

¹ Der Fa. Siemens & Halske (Röhrenfabrik München) sei an dieser Stelle für die freundliche Überlassung der Oxydkathoden gedankt.

nungen, die sich jedoch auf 3 Grundprinzipien ückführen lassen:

- a) Direkte Druckmessung [1]—[4].
- b) Die Effusionsmethode [5].
- c) Die Taupunktmethode [6].

In vorliegender Arbeit wurde eine Methode verndt, bei der Dampfdruck und Verdampfungschwindigkeit gleichzeitig gemessen werden. Die rteile einer solchen Kombination der Grundprinien a) und b) sind:

- Man erhält eine Aussage über das Molekularwicht und damit die Möglichkeit einer Substanzntrolle,
- 2. man kann den Meßbereich stark erweitern und t einem relativ stabilen Instrument bis zu Drucken n 10⁻⁶ Torr messen.

Das Meßprinzip ist folgendes (Abb. 1): Die Subinz wird in einem Ofen auf konstanter Temperatur halten und aus einer engen, kreisförmigen Offng des Ofens ins Hochvakuum verdampft. h dabei ausbildende Molekularstrahl trifft — durch 1e Blende begrenzt — auf die gekühlte Waagschale ner empfindlichen Waage und kondensiert dort. e Ofenöffnung kann freigegeben und abgedeckt erden. Bei Öffnung des Ofens wird die Waaghale durch den Impuls des Molekularstrahles um nen Betrag angehoben, der dem Dampfdruck der ibstanz im Ofen proportional ist. Bei Schließung akt die Waagschale um den gleichen Betrag. Während r Öffnungszeit wird die Waagschale durch Kondention des Dampfes laufend schwerer. Diese Gewichtsmahme ist proportional der Verdampfungsgeschwingkeit. Aus der Aufzeichnung der Stellung der Waage s Funktion der Zeit, wie es in Abb. 2 dargestellt ist, hält man also unabhängig voneinander zwei Größen, ie dem Dampfdruck und der Verdampfungsgeschwinigkeit proportional sind. Beide Proportionalitätsfakoren lassen sich elementar berechnen. Da ferner der Campfdruck p und die Verdampfungsgeschwindigeit G durch die Hertzsche Beziehung (1)

$$G = \frac{1}{\sqrt{2\pi R}} \cdot \sqrt{\frac{M}{T}} \cdot p \tag{1}$$

ekoppelt sind, ist damit gleichzeitig eine Bestimmung es Molekulargewichtes verbunden¹.

2. Beschreibung der Meßanordnung

Die Waage, deren grundsätzlichen Aufbau Abb. 1 eigt, ist ein spitzengelagertes Drehspulinstrument Drehspulrelais der Fa. P. Gossen). An Stelle des eigers befindet sich ein kleines Röhrchen, in das der Vaagebalken, ein Quarzröhrchen von etwa 0,6 mm Durchmesser und 14 cm Länge (Gewicht: 42 mg), einekittet ist. Am Waagebalken ist ein kleiner Haken ngebracht, in den die Waagschale eingehängt ist. Die Vaagschale (Gewicht 27 mg) besteht aus einem dünnen Alimmerplättchen von 20 mm Durchmesser, das an rei feinen Kupferbändchen aufgehängt ist. Auf der Interseite ist die Waagschale mit Aluminium beampft. Diese Metallschicht ist über die Aufhängung nd einen dünnen Draht längs des Waagebalkens eerdet, um die während der Aufdampfung mitgeführte

elektrische Ladung abzuleiten. Diese Ladung kann bei einer Anzahl von Substanzen so stören, daß eine einwandfreie Messung ohne hinreichende Erdung der Waagschale nicht möglich ist. Das Gewicht von Waagschale und Waagebalken beträgt etwa 70 mg, eine Belastung, die das Spitzenlager der Drehspule ohne weiteres aufnehmen kann. Das durch Waagschale und Waagebalken gegebene Moment wird durch

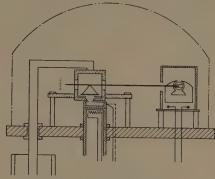
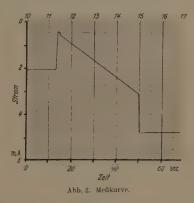


Abb. 1. Schema der Meßanordnung.

eine an der Drehspule angebrachte, bis zu 450° vorspannbare Torsionsfeder aufgenommen. Das Ende des Waagebalkens ist als Zeiger ausgebildet (siehe Registrierung). Ein Kühlkasten umgibt die Waagschale allseitig bis auf zwei schmale Schlitze für den Waagebalken und die Blendenöffnung für den Molekularstrahl und soll eine völlige Kondensation des Dampfes auf der Waagschale gewährleisten. Die Wärmeableitung vom Kühlkasten erfolgt über einen 1 cm dicken Kupferstab, der mit einem dünnen V2A-Rohr wärme-



isoliert durch die Grundplatte der Apparatur durchgeführt ist und unter der Grundplatte in ein Dewargefäß mit flüssiger Luft ragt. Der Kühlkasten erreicht eine Temperatur von —120° C, die ausreicht, um die Waagschale auch bei größeren Aufdampfgeschwindigkeiten und höheren Verdampfungstemperaturen hinreichend zu kühlen.

Unterhalb des Kühlkastens liegt der Verdampferofen, in den die zu untersuchende Substanz eingefüllt wird (max. 2 g), und der von außen elektrisch geheizt wird. Der Ofendeckel hat drei blendenförmige Öffnungen mit verschiedenen Querschnitten, die drei Meßbereichen unterschiedlicher Empfindlichkeit entsprechen. Der Molekularstrahl kann durch Drehung

¹ Zum Teil stark verwandte Methoden sind von M. Voll-ER [7], E. MIESCHER [8], F. METZGER [9] und von G. WESSEL nd W. Paul [10] benutzt worden.

des Ofens um eine zur Waagschale exzentrische Achse aus einer der drei Öffnungen auf die Waagschale freigegeben und abgeblendet werden. Der Ofen ist so dimensioniert und aufgebaut, daß einerseits der ganze Ofen die gleiche Temperatur hat und daß andererseits die Fläche der Ofenöffnungen klein ist gegen die Verdampferfläche, so daß im Ofen auf jeden Fall Sättigungsdampfdruck herrscht. Die Temperatur des Ofens wird mit einem in die Ofenwand eingelöteten, sorgfältig geeichten Ni-NiCr Thermoelement in einer Kompensationsanordung gemessen.

Bei vorsichtiger Abschätzung der Fehlermöglichkeiten erhält man eine Genauigkeit in der Bestimmung der Ofentemperatur

$$T_{\it gemessen} = T \pm 0.5^{\circ} \, {
m C}$$
 .

Die ganze Anordnung befindet sich in einem Hochvakuumrezipienten, der aus einer Grundplatte (\varnothing 35 cm), die sämtlichen Einbauten und Durchführungen trägt (s. Abb. 1), und einer aufgesetzten Glasglocke besteht. Zur Evakuierung der Anlage dient ein Pumpsatz, bestehend aus einer Öldiffusionspumpe und einer rotierenden Gasballastpumpe. Der für das Meßverfahren notwendige Druck von 1 bis $2\cdot 10^{-5}$ Torr wird nach etwa zweistündiger Pumpzeit erreicht. Der Hochvakuumdruck wird mit einem Ionisationsmanometer gemessen. Der höchstzulässige Druck der Restgase bestimmt sich im wesentlichen aus zwei Forderungen:

- Die freie Weglänge der Restgasmoleküle muß groß sein gegenüber der Molekularstrahldimension, so daß keine Streuung der Dampfmoleküle am Restgas auftritt.
- Der Restgasdruck muß kleiner sein als der kleinste durch Impulsmessung mit der Waage meßbare Dampfdruck. Dann sind Störungen der Waage durch Molekulardruckkräfte ausgeschlossen.

Beide Forderungen sind bei einem Restgasdruck von $1-2\cdot 10^{-5}$ Torr sicher erfüllt, wie auch experimentell bestätigt werden konnte. Die Messungen wurden bei einem Restgasdruck von etwa $2\cdot 10^{-5}$ Torr begonnen, der in der Regel bis Ende der Messung unter $1\cdot 10^{-5}$ Torr sank.

Zur Registrierung der Stellung der Waage als Funktion der Zeit wurden zwei verschiedene Verfahren angewandt:

- 1. Ein visuelles Verfahren,
- eine photoelektrische Kompensation und Registriereinrichtung¹.

3. Das visuelle Registrierverfahren

Das Ende des Waagebalkens ist durch Aufkleben eines 0,02 mm dicken Drahtes als Zeiger ausgebildet. Dieser wird durch eine Lichtquelle über ein Linsensystem und zwei Prismen mit etwa 40 facher Vergrößerung auf eine 4 m entfernte Skala abgebildet.

Während der Messung, für die etwa 3 min benötigt werden, wird der Zeigerausschlag der Waage in kurzen

¹ Das Meßverfahren und die Apparatur wurden von Herlet entwickelt, der das visuelle Registrierverfahren benutzte und an einer Reihe von Messungen die Verwendbarkeit und die Grenzen dieser Methode zeigen konnte. In Fortführung dieser Arbeit wurde von Reich die photoelektrische Kompensation und Registrierung entwickelt und einige Ergänzungen hinzugefügt (siehe auch [15]—[18]).

Zeitabständen elektrisch auf Null kompensiert. hierzu erforderlichen Kompensationsspannungen viden als Funktion der Zeit aufgetragen. Es ergibt sit durch Extrapolation dann eine Kurve analog Abb Der Ausschlag bei Öffnung oder Schließung des Oft durch ΔU und die Gewichtszunahme während Aufdampfung durch die zeitliche Änderung dU der Kompensationsspannung gemessen 1 .

Um aus den Meßgrößen ΔU und dU/dt den Dam druck bzw. die Verdampfungsgeschwindigkeit zu halten, ist es einmal notwendig, die Kraft zu kenni die der aus dem Ofen austretende Molekularstrahl gegebener geometrischer Anordnung und gegeben Dampfdruck auf die Waagschale ausübt, und ander seits muß der Zusammenhang zwischen der gemessen Spannung und dieser Kraft bekannt sein. Währe sich der erste Zusammenhang aus gaskinetischen I rechnungen, die im nächsten Absatz durchgeführt w. den, ergibt, muß der zweite durch Eichung bestimm werden.

Diese Eichung wurde durchgeführt, indem a einen Querbalken am Waagebalken verschiede Eichgewichte aufgesetzt wurden². Diese wurd dann mit einem im Hochvakuum beweglichen St abgeworfen und der Zeiger durch Veränderung d Kompensationsspannung wieder in die Nullage z rückgeführt.

Der Abstand Drehpunkt—Aufhängung der Wasschale betrage l, der Abstand Drehpunkt—Qubalken r und die Masse des Eichgewichtes sei Dann ergibt sich als Verhältnis zwischen mechascher und elektrischer Empfindlichkeit der Waadie Größe

$$k = \frac{\mu \cdot g \cdot r}{\text{Kompensationsspannung} \cdot l}.$$

4. Berechnung von Dampfdruck und Verdampfungeschwindigkeit

Die aus der Ofenöffnung q pro Zeiteinheit vor dampfende Menge ist nach den Gesetzen der Gekinetik gegeben durch³:

$$S_0 = \frac{n \cdot m \cdot \overline{c}}{4} q.$$

Der aus dem Ofen austretende Molekularstra wird durch eine senkrechte über der Ofenöffnung Kühlkasten befindliche, kreisförmige Blende begren so daß nur diejenigen Moleküle auf die Waagscha gelangen, die die Ofenöffnung mit einem Winl $\alpha \leq \alpha_0$ verlassen. Da die Zahl der pro Raumwink einheit auftreffenden Dampfmoleküle in einer cosinu Verteilung von α abhängt, ergibt sieh die auf e Kondensationsfläche pro see aufdampfende Substan

¹ Der Übergang vom Zeigerausschlag zur Kompsationsspannung ist für eine brauchbare Auswertung Messungen unbedingt notwendig. Es hat sich nämlich gezei daß der Zeigerausschlag selbst kein einwandfreies Maß die auf die Waagschale ausgeübten Kräfte ist, da die Empfilichkeit der Waage stark von äußeren Einflüssen abhän Das Verhältnis von mechanischer zu elektrischer Empfilichkeit, also das Verhältnis der ausgeübten Kräfte den ausgleichenden Kompensationsspannungen blieb dageg konstant.

² Vgl. hierzu auch [10], S. 694.

³ Bez. der Bezeichnungen vgl. die Zusammenstellung Anfang der Arbeit.

enge durch Integration über a zu

$$S(\alpha_0) = S_0 \cdot \sin^2 \alpha_0 . \tag{4}$$

emessen wird $S(\alpha_0)$, und daraus berechnet sich die erdampfungsgeschwindigkeit der Substanz bezogen ıf die Flächeneinheit

$$G = \frac{1}{q} \cdot S_0 = \frac{S(\alpha_0)}{q \cdot \sin^2 \alpha_0}. \tag{5}$$

ie Kraft $K(\alpha_0)$, die die auf die Waagschale aufeffenden Moleküle auf diese ausüben, berechnet sich penfalls durch Integration über alle Moleküle im \forall inkelbereich $\alpha \leq \alpha_0$ zu

$$K(\alpha_0) = \frac{n \cdot m \, \overline{c}^2}{6} \left(1 - \cos^3 \alpha_0\right) \cdot q \,. \tag{6}$$

Da ferner nach gaskinetischem Gesetz der Dampfruck

$$p = \frac{n \cdot m \, \bar{c}^2}{3} \tag{7}$$

st, ergibt sich für $K(x_0)$, das gemessen wird, folgender usammenhang mit p:

$$p = \frac{2 K(\alpha_0)}{q (1 - \cos^3 \alpha_0)}. \tag{8}$$

Diese Betrachtungen sind an eine Reihe von Näherungs-nnahmen gebunden, die zunächst aufgezählt und anschlie-end im einzelnen diskutiert werden sollen.

1. Für die Berechnung von Dampfdruck und Ver-ampfungsgeschwindigkeit wurde eine punktförmige Ofen-ffnung vorausgesetzt (Annahme einer cos-Verteilung im folekularstrahl).

2. Es wurde vollständige Kondensation des Dampfes auf ler Waagschale angenommen.
3. Die Abweichung der statistischen Dichte und Gechwindigkeitsverteilung in der Nähe der endlichen Ofenöffung vom Zustand im thermischen Gleichgewicht, der der

A. (3) zugrunde liegt, wurde vernachlässigt.
4. Der Einfluß des Strahlungsdruckes und des thermischen Molekulardruckes der Restgase wurde nicht berück-

Zu l. Die Dimensionierung der Apparatur wurde so ge-troffen, daß diese Korrekturen möglichst weit unterhalb der Fehlergrenze liegen. Eine Berechnung der Korrektur für die Verdampfungsgeschwindigkeit ist nach dem photometrischen Analogon (Beleuchtung einer Fläche durch eine Lichtquelle endlichen Durchmessers [19]) möglich. Sie beträgt für das größte Ofenloch —3%. Eine entsprechende Rechnung für die Druckmessung ergibt —2%.

Zu 2. Eine unvollständige Kondensation kann durch Reflektion nicht kondensierbarer Verunreinigungen der Sub-stanz vorgetäuscht werden. Da sämtliche Substanzen vor der eigentlichen Messung längere Zeit ausgeheizt wurden, ist zu erhoffen, daß dieser Effekt i. a. nicht stört.

Bei der Messung einer Substanz mit einem Kondensationskoeffizienten α ergibt sich eine scheinbare Verdampfungsgeschwindigkeit $G'=\alpha\,G$ und ein scheinbarer Dampfdruck $p'=p\,(2-\alpha)$. Für das scheinbare Molekulargewicht folgt dann nach (1)

$$M' = M \frac{\alpha^2}{(2-\alpha)^2}$$
 bzw. für $\alpha = \frac{2}{\sqrt{M/M'+1}}$. (9)

Durch Messung von Substanzen mit bekanntem Molekulargewicht konnte im Rahmen der Genauigkeit der Molekulargewichtsbestimmung kein Fall einer nicht vollständigen
Kondensation mit Sicherheit nachgewiesen werden. Dabei ist
an beachten, daß die Bestimmung des Molekulargewichtes
nicht sehr genau ist, da in die Berechnung zwei Meßwerte mit
der zweiten Potenz (s. Gl. (13)) eingehen. Versuche von
Peperenz [13], eine Reflektion bzw. eine nicht vollständige
Kondensation direkt nachzuweisen, blieben ohne Ergebnis.
Zu 3. Dieser Effekt hat eine Abkrümmung der Verdampfergeraden nach oben zur Folge. Messungen von
KNUDSEN haben gezeigt, daß meßbare Abweichungen erst auftreten, wenn die freie Weglänge im Dampfraum vergleichbar
wird mit den Abmessungen der Verdampferöffnung. Mit der
zorliegenden Apparatur wurde dieser Effekt experimentell

überprüft. Dabei ergab sich, daß eine meßbare Abkrümmung erst bei Dampfdrucken über 10^{-2} Torr auftrat. Damit ist mit diesem Wert gleichzeitig die obere Schranke für den Anwen-

dungsbereich der Meßmethode gegeben.

Zu 4. Der Ofen ist so eingerichtet, daß sich auch bei abgeblendetem Molekularstrahl der Ofendeckel unter der Waagschale befindet. Experimentell konnte bis zu Ofentemperaturen von 400°C und kalter Waagschale keiner der beiden Effekte nachgewiesen werden.

Aus den Formeln (5) und (8) berechnet sich dann gemeinsam mit (2) der Dampfdruck p und die Ver-

 $\mathbf{dampfungsgeschwindigkeit}\ G$:

$$p_{1,2,3} = \frac{2 K(\alpha_0)}{q_{1,2,3} (1 - \cos^3 \alpha_0)} = \frac{2 \Delta U \cdot k}{q_{1,2,3} (1 - \cos^3 \alpha_0)}, (10)$$

$$\alpha = \frac{S(\alpha_0)}{2} - \frac{dU}{dt} k$$
(11)

$$G_{1,2,3} = \frac{S(\alpha_0)}{\sin^2 \alpha_0 \cdot q_{1,2,3}} = \frac{\frac{dU}{dt} k}{g \cdot q_{1,2,3} \sin^2 \alpha_0}.$$
 (11)

Ferner durch Kombination von (10) und (11) mit der Hertzschen Beziehung (1)

$$p(G_1) = \sqrt{\frac{2 \pi R T}{M}} \frac{dU}{dt} \frac{k}{g \cdot q_1 \sin^2 \alpha_0} , \qquad (12)$$

$$M = 2 \pi R T \frac{(dU/dt)^2}{AU^2 g^2} \frac{(1 - \cos^3 \alpha_0)^2}{(2 \sin^2 \alpha_0)^2}.$$
 (13)

Aus der numerischen Auswertung der Gln. (10) bis (13) ergibt sich mit dem Wert von

$$k=0$$
,0138 $rac{\mathrm{dyn}}{\mathrm{mVolt}}$,

mit den Ofenquerschnitten

$$egin{array}{ll} q_1 = 10{,}54~\mathrm{mm^2} \ q_2 = & 3{,}68~\mathrm{mm^2} \ q_3 = & 0{,}155~\mathrm{mm^2} \end{array}$$

und mit

$$\alpha_0 \stackrel{\cdot}{=} 42^{\circ}$$
:

$$p_{1} = 3.28 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Torr}}{\text{mVolt}} \cdot \Delta U$$

$$p_{2} = 9.4 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Torr}}{\text{mVolt}} \cdot \Delta U$$

$$p_{3} = 2.22 \cdot 10^{-2} \frac{\text{Torr}}{\text{mVolt}} \cdot \Delta U$$
(14)

$$p(G_1) = 5.0 \cdot 10^{-3} \sqrt{\frac{T}{M}} \cdot \frac{\text{Torr sec}}{\text{mVolt}} \cdot \frac{dU}{dt} \pm 10\% (15)$$

$$M = 231 \ T \cdot \left(\frac{dU/dt}{Up}\right)^2 g/\text{Mol} \pm 20 \%$$
 (16)

Die Bestimmung von dU/dt ist wegen der großen Zahl von Meßpunkten sehr genau. Dagegen ist die Messung von ΔU mit relativ großen Fehlern behaftet. Die Schwierigkeit liegt dabei in der genauen Bestimmung der Anfangs- und Endpunkte des Verdampfungsvorganges. Da die systematischen Fehler (Trägheit der Waage, Reibung der Waage) klein gegen die statistischen Fehler sind, wurden als Maß für die Fehlergrenzen bei der Bestimmung von ΔU die Differenzen der Werte ΔU zu Anfang und Ende des Verdampfungsvorganges genommen. Die Fehlergrenzen liegen dabei größtenteils unter ± 6%. Wo die Streuungen über diesen Wert hinausgingen, wurde der Druck nach Gl. (15) aus der Verdampfungsgeschwindigkeit bestimmt, wobei das aus anderen Meßwerten nach Gl. (16) bestimmte Molekulargewicht eingesetzt wurde.

Eine direkte Druckmessung läßt sich nach Gl. (14) bis etwa 5 · 10⁻⁵ Torr durchführen. Bei niedrigeren Drucken wurde Gl. (15) benutzt. Dabei lassen sich bei Verdampfungszeiten von etwa 1 Stunde Drucke bis zu 10⁻⁷ Torr messen.

Auf die Messungen selbst wird im letzten Teil nach der Beschreibung der photoelektrischen Registrierung eingegangen.

5. Die photoelektrische Kompensation und Registrierung

Die laufende visuelle Ablesung und Kompensation und die anschließend notwendige graphische Auswertung ist sehr umständlich und zeitraubend und erfordert eine große Geschicklichkeit, so daß dieses Verfahren für Reihenmessungen nicht sehr geeignet ist. Da während der Messung immer nur einzelne Punkte aufgenommen werden, ist es weiterhin nicht möglich, Feinheiten, Unregelmäßigkeiten und evtl. Meßfehler sofort zu erkennen und schnell veränderliche Vorgänge zu verfolgen.

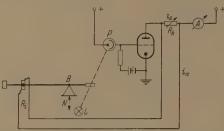


Abb. 3. Schema der Kompensationsschaltung. L Lichtquelle; P Photozelle; A Anzeigeinstrument; B Waagebalken; N Drehmoment; $R_{\tilde{t}}$ Innerer Widerstand der Drehspule; $R_{\tilde{t}}$ Kompensationswiderstand.

Um nun dieses Meßverfahren für Reihen- und Kontrollmessungen in größerem Rahmen geeignet zu machen, wurde im weiteren Verlauf der Arbeit ein photoelektrisches Kompensations- und Registrierverfahren entwickelt. Dieses Verfahren beruht auf dem Prinzip des lichtelektrischen Verstärkers.

Das während der Messung auf die Waage wirkende veränderliche Drehmoment wird durch einen Strom durch das Drehspulsystem der Waage immer in der Weise kompensiert, daß der Ausschlag von seinem Sollwert nicht abweicht (bzw. nur unwesentlich abweicht). Dieser Kompensationsstrom ist dem Drehmoment proportional und wird auf einem Stromschreiber aufgezeichnet. Durch eine entsprechende lichtelektrische Schaltung wird der Kompensationsstrom selbsttätig erzeugt. Das Schema der Anordnung zeigt Abb. 3. Durch die Lichtquelle (L) wird das Ende des Waagebalkens (B) als Schattenbild auf die Photozelle (P) abgebildet. Ändert sich nun der Ausschlag des Waagebalkens durch Einwirkung eines Drehmomentes N auf die Waage, so ändert sich die Belichtung und damit der Widerstand der Photozelle. Durch diese Widerstandsänderung wird die nachfolgende Verstärkerstufe gesteuert. Ein durch das Verhältnis des Kompensationswiderstandes R_k und des inneren Widerstandes R_i gegebener Bruchteil i_w des Anodenstromes i_a fließt durch die Drehspule der Waage, die nun so gepolt ist, daß die Änderung des mechanischen Drehmomentes durch das elektrische Moment der Spule (annähernd) kompensiert wird. Das Anzeigeinstrument (A) zeigt dann eine Stromänderung an, die dem Drehmoment N und damit der Gewichtsänderung der Waagschale proportional ist. Durch den variablen Kompensationswiderstand R_k wird der Grad der Kompensation und damit die Anzeigeempfindlichkeit eingestellt.

Diese photoelektrische Kompensation hat gege über der visuellen Registriermethode den Vorteil, da die zeitliche Abhängigkeit der Belastung der Waaş bei einem Meßvorgang direkt auf dem Schreiber reg striert wird. Ein Beispiel einer solchen Meßkurve zeig Abb. 2. Weiter ist es möglich, durch Änderung de Kompensationsfaktors die Anzeigeempfindlichkeit übe einen großen Meßbereich optimal einzustellen.

6. Automatische Kompensation der Waage [11], [12]

Die photoelektrische Kompensationseinrichtung is im Prinzip ein Regelkreis. Die Regelstrecke ist i dieser Anordnung die Waage mit dem Drehspulsystem Die zu regelnde Größe ist der Ausschlag φ . Die Stell größe ist der Strom i_w , der durch die Drehspule fließt Auf die Regelstrecke wirkt als Störgröße ein veränder liches Drehmoment N, das gemessen und kompensierwerden soll. Der Regler besteht aus der Photozelle als Meßglied und dem Verstärker. Die Ausgangsgröße des Reglers ist der Strom i_a , der durch den Schreiber und durch den variablen Kompensationswiderstand R, fließt. Ein Bruchteil dieses Stromes, gegeben durch den Kompensationsfaktor

$$\gamma = \frac{R_k}{R_k + R_i} \tag{17}$$

wirkt als Stellgröße i_w auf die Drehspule

$$i_w = \gamma i_a$$
.

Die Differentialgleichung des Regelkreises bei Einwirkung eines Drehmomentes N auf die Waage lautet:

$$I\,\frac{d^3i_a}{dt^2} + \varrho\,\frac{di_a}{dt} + D\,(1+v\,\gamma)\,i_a = \frac{v\,D}{\Gamma}\,N\,. \quad (18)$$

(v = Verstärkungsfaktor des offenen Regelkreises). Im Falle des Gleichgewichtes gilt für N

$$N = \Gamma\left(\gamma + \frac{1}{v}\right) \Delta i_a \,. \tag{19}$$

Das während der Messung des Dampfdruckes au die Waage wirkende veränderliche Drehmoment Λ wird durch den Ausgangsstrom i_a nach (19) gemessen und durch den Schreiber registriert. Der Vorteil einer solchen Anordnung liegt nun darin, daß der Verstärkungsfaktor v, der im wesentlichen durch die Lichtstärke der optischen Abbildung, durch die Empfindlichkeit der Photozellen und durch die elektrische Verstärkung gegeben ist, wenn

$$\frac{1}{v} \ll \gamma$$
 (2)

ist, nicht in das Meßergebnis eingeht und somit nicht unbedingt konstant und reproduzierbar sein braucht Solange (20) gilt, ist die Proportionalität von i_a und Anur gegeben durch das Produkt aus Galvanometer konstante Γ und Kompensationsfaktor γ . Durch den Kompensationsfaktor ist die Meßempfindlichkeit be stimmt, die durch Änderung von R_k nach (17) ein gestellt werden kann.

7. Beschreibung der Regelkreisglieder

Gerätetechnisch ist der Regler aufgebaut aus den Geber, dem Kompensationsteil und der Waage. Dies

¹ Eine eingehende Beschreibung der photoelektrischer Methode und der dabei auftretenden regeltechnischen Probleme wird in den "Forschungsberichten des Wirtschafts- un Verkehrsministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen" in Westdeutschen Verlag Köln und Opladen erfolgen. Siehe auch Fußnote Abs. 2.

nzelnen Elemente sind auf dem elektrischen Schaltld Abb. 4 hervorgehoben und sollen im folgenden nzeln beschrieben werden.

a) Der Geber enthält die Meßeinrichtung und die erstärkerstufe. Die Meßeinrichtung besteht aus zwei hotozellen (Type Pressler N/320 GCsKe). Der Zeiger es Waagebalkens — eine Aluminiumfolie — (s. Abb. 3) ird als Schattenbild über einen Lichtweg von etwa m auf die Photozellen abgebildet. Die beiden Photoellen werden im gleichen Maße vom Schattenbild edeckt und sind nach Art einer Brücke geschaltet. burch diese Anordnung wird erreicht, daß eine Ändeung der Lichtstärke der Abbildung oder des Streuchtes auf das Gitterpotential keinen Einfluß hat. Die Verstärkerstufe besteht aus einer als Triode geschaleten Pentode EF 80, die sich gleich hinter den Photoellen im Geber befindet.

b) Im Kompensationsteil befinden sich der stufenumschaltbare Kompensationswiderstand R_k

ınd die Dämpfungschaltung. Durch eine parallel zum Schreiber legende höhere Spannung mit einem Vorwiderstand R_s wird der Tache Teil der Kennlinie des Verstärkers abgeschnitten.

Zur Erzielung eines stabilen Regelverlaufes mußte der Regler mit einem dämpfenden Element versehen werden. Auf Grund von Gl. (18), deren Lösungen gedämpfte Schwingungen darstellen, ist eine Instabilität an sich nicht zu erwarten. Sie kann jedoch durch eine geringe Phasenverschiezwischen Einbung gangs- und Ausgangsgröße des Reglers hervorgerufen werden. Eine hinreichende Dämpfung

wurde erreicht durch Vorschaltung eines RC-Gliedes vor die Drehspule der Waage gem. Abb. 4: $R_c C_1 \cdots C_5$.

Für die Kapazität des Kondensators ergibt sich auf Grund regeltechnischer Rechnungen für den aperiodischen Grenzfall:

 $C = \frac{2}{R_c v \gamma} \sqrt{\frac{J}{D} (1 + v \gamma)} .$

Durch diese Anordnung ist es möglich, den Regelverlauf im gesamten in Frage kommenden Meßbereich annähernd aperiodisch einzustellen. Zur Behebung der Trägheit des Regelkreises wurde parallel zur Drehspule ein weiteres RC-Glied (R_i und C_v) geschaltet, das die Wirkung eines Vorhaltes hat.

c) Das Drehspulsystem der Waage hat neben der eigentlichen Meßwicklung $M(R_i = 3600 \ \Omega)$ eine zweite Wicklung K ($R_i=50~\Omega$), die über einen Spannungsteiler Sp an einer Trockenbatterie liegt. Hierdurch ist es möglich, die Waage nach jeder Messung ohne Eingriff in den Regler wieder in die Ausgangsstellung zu

bringen. Die elektrischen und mechanischen Daten der Waage betragen:

Richtmoment: $D = 87 \, \mathrm{dyn} \cdot \mathrm{cm}$ Schwingungsdauer: $\tau_0=1,4$ sec Trägheitsmoment: J=4,3 g·cm² Galvanometerkonstante: $\varGamma=5,8\cdot10^5$ Gauß·cm².

8. Meßbereich und Empfindlichkeit

Der aus dem Ofen austretende Molekularstrahl übt auf die Waagschale eine Kraft $K(\alpha_0)$ aus (s. Gl. (8)). Das durch diese Kraft hervorgerufene Drehmoment N ist gleich

 $N = K(\alpha_0) l$.

Daraus ergibt sich zusammen mit (19)

$$\frac{1}{2} p q_{1, 2} l (1 - \cos^3 \alpha_0) = \Gamma \left(1 + \frac{1}{v \gamma} \right) \gamma \Delta i_a, \quad (23)$$

$$p = \frac{2 \Gamma}{l q_{1,2} (1 - \cos^3 \alpha_0)} \gamma \left(1 + \frac{1}{v p} \right) \Delta i_a. \quad (24)$$

Geber Kompensationsteil EF 80 Waage +70

Abb. 4. Elektrisches Schaltbild. $\begin{array}{l} T \ 2 \times 5 \ \text{M}\Omega; \ R_0 \ 20 \ \text{K}\Omega; \ R_k \ 2 \ \Omega \cdot \cdot \cdot \cdot 250 \ \Omega; \ R_0 \ 9500 \ \Omega; \ R_0 \ 200 \ \Omega; \ R_p \ 200 \ \Omega; \\ R_i \ 3600 \ \Omega; \ C_1 \ 1 \ \mu\text{F}; \ C_2 \ 2 \ \mu\text{F}; \ C_8 \ 4 \ \mu\text{F}; \ C_4 \ 8 \ \mu\text{F}; \ C_5 \ 16 \ \mu\text{F}; \ C_0 \ 200 \ \mu\text{F}. \end{array}$

Die Verdampfungsgeschwindigkeit der Substanz und das Molekulargewicht berechnen sich entsprechend

$$G = \frac{\Gamma}{l q_{1,2} g \sin^2 \alpha_0} \gamma \left(1 + \frac{1}{v \bar{\gamma}}\right) \frac{di_a}{dt}, \qquad (25)$$

$$M = \frac{2 \pi R T}{g^2} \left[\frac{1 - \cos^3 \alpha_0}{2 \sin^2 \alpha_0} \right]^2 \left[\frac{di_a}{dt} \frac{1}{\Delta i_a} \right]^2 \tag{26}$$

und der Dampfdruck aus der Verdampfungsgeschwindigkeit

 $p(G) = \frac{\sqrt{2 \pi R} \Gamma}{l q_{1,2} g \sin^2 \alpha_0} \sqrt{\frac{T}{M}} \gamma \left(1 + \frac{1}{v \gamma}\right) \frac{di_a}{dt}. \quad (27)$

Die Größen von l,q und α_0 sind durch die Geometrie der Anordnung gegeben, so daß lediglich Γ durch Eichung der Waage bestimmt werden muß. Diese Eichung erfolgt in gleicher Weise, wie sie im ersten Teil beschrieben wurde, jedoch wird die durch den Abwurf des Reiterchens hervorgerufene Belastungsänderung der Waage als Stromdifferenz Δi_a auf dem Schreiber unmittelbar abgelesen. Der Zusammenhang zwischen Δi_a und der Belastungsänderung ist nach (19) und (22) gegeben

$$\mu g r = \Gamma \left(1 + \frac{1}{v\gamma} \right) \gamma \Delta i_a , \qquad (28)$$

und damit wird

$$T = \frac{\mu r g}{\gamma \left(1 + \frac{1}{v \gamma} A i_a\right)}.$$
 (29)

Der Ofendeckel hat zwei Öffnungen mit verschiedenen Querschnitten:

$$\begin{array}{l} q_1 = 12.8 \, \cdot 10^{-2} \, \mathrm{cm^2} \\ q_2 = \, 0.92 \cdot 10^{-2} \, \mathrm{cm^2}. \end{array}$$

(Es wurde ein anderer Ofen verwendet als der im ersten Teil beschriebene.)

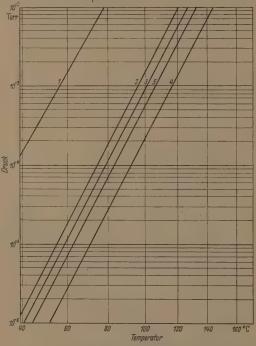


Abb. 5. Zusammenstellung der Dampfdruckkurven von: 1 Butylphthalat; 2 Octoil; 3 Narcoil 40; 4 Octoil S; 5 Di-n-octylphthalat.

Die Länge des Waagebalkens¹ beträgt 10 cm. Die numerische Auswertung der Gln. (24) bis (27) ergibt dann mit den Werten von $\sin^2 \alpha_0 = 0.57$ und $(1 - \cos^3 \alpha_0) = 0.72$ und dem Wert von Γ (siehe Abs. 7), wenn Δi_a in Milliampère gemessen wird 2:

$$p_{1} = 0.95 \gamma \left(1 + \frac{1}{v \gamma}\right) \Delta i_{a} \quad [\text{Torr}]$$

$$p_{2} = 13.2 \quad \gamma \left(1 + \frac{1}{v \gamma}\right) \Delta i_{a} \quad [\text{Torr}]$$

$$G_{1} = 0.81 \gamma \left(1 + \frac{1}{v \gamma}\right) \frac{di_{a}}{dt} \quad [\text{g cm}^{-2} \text{ sec}^{-1}]$$

$$G_{2} = 11.3 \quad \gamma \left(1 + \frac{1}{v \gamma}\right) \frac{di_{a}}{dt} \quad [\text{g cm}^{-2} \text{ sec}^{-1}]$$

$$(25a)$$

¹ Für diesen Teil der Arbeit wurde ein anderes Drehspul-system verwendet und eine neue Waage gebaut, deren Daten nicht mit der im ersten Teil verwendeten übereinstimmen.

 2 Die Gln. (24a) bis (27a) entsprechen natürlich den Gln. (14), (15) und (16), wie sie für die visuelle Methode gefunden wurden. Während bei der letzteren $\varDelta U$ bzw. dU/dt die Meßgrößen sind, wird bei der photoelektrischen Methode Δi_a bzw. $di_a|dt$ gemessen.

 $M=216~T\left(\frac{di_a}{dt}\frac{1}{\Delta i_a}\right)^2~[\mathrm{g/Mol}]$

$$p(G_1) = 13.9 \sqrt{\frac{T}{M}} \gamma \left(1 + \frac{1}{v\gamma}\right) \frac{di_a}{dt}$$
 [Torr]. (27)

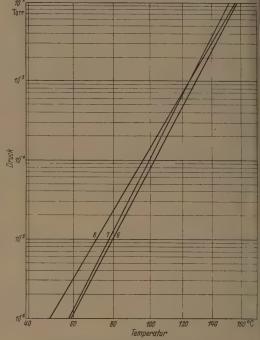


Abb. 6. Zusammenstellung der Dampfdruckkurven von 6 Leybold-Öl F; 7 Leybold-Öl H; 8 Apiezon-Öl E.

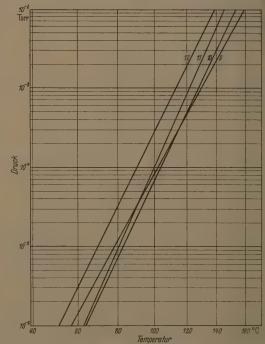


Abb. 7. Zusammenstellung der Dampfdruckkurven von: 9 Apiezon-Öl C; 10 Silicon DC 703; 11 Silicon-Öl; 12 Trikresylphosphat.

Der niedrigste Druck, der nach Gl. (24) direkt gessen werden kann, ist durch den Verstärkungsktor v nach Bedingung (20) gegeben und beträgt \cdot 10^{-5} Torr, der höchste $1 \cdot 10^{-2}$ Torr.

Eine einzelne Messung dauert etwa 30—40 sec. ampfdrucke bis $1 \cdot 10^{-6}$ Torr lassen sich aus dem si höheren Drucken bestimmten Molekulargewicht 6a) und der über längere Zeit gemessenen Aufampfgeschwindigkeit nach (27a) berechnen. Durch nderung des Kompensationsfaktors nach Gl. (17) ann nun die Anzeigeempfindlichkeit jeweils so einstellt werden, daß der Ausschlag auf dem Schreiber ei Öffnung oder Schließung des Ofens über den anzen Meßbereich von 10^{-2} bis 10^{-5} Torr etwa 1 mA eträgt (Vollausschlag 6 mA).

MitderWaage lassen sich bei der empfindlichsten Eintellung Gewichtsänderungen von weniger als 10^{-7} g/see achweisen. Die Nullpunktswanderung beträgt über 5 min etwa $1 \cdot 10^{-7}$ g (oder 0.2 mA auf dem Schreiber).

Die Genauigkeit der Druckmessung liegt je nach 1eßbereich zwischen 5 und 20%, die der Molekularzwichtsbestimmung beträgt 20%. Die Verdampungswärme läßt sich aus der Steigung der Dampftruckkurve auf etwa 2% genau bestimmen.

9. Meßergebnisse

Mit diesem Meßverfahren wurden zunächst die Dampfdruckkurven einer Reihe von Hochvakuumpumpentreibmitteln und Dichtungsfetten gemessen¹. Für das Meßverfahren und für die Beurteilung der Dampfdruckkurven ist es nun sehr wesentlich, ob die zu untersuchende Substanz chemisch einheitlich ist, oder ob sie sich aus einer mehr oder weniger großen Anzahl von Komponenten mit unterschiedlichen Dampfdrucken zusammensetzt. Im Falle einer chemisch einheitlichen Substanz ist die Dampfdruckmessung ohne Schwierigkeit durchführbar, die Dampfdruckkurve ist eindeutig. Besteht die Substanz jedoch, wie es bei vielen technischen Produkten der Fall ist,

aus mehreren Komponenten, so ist neben der Ausheizung von leicht flüchtigen Verunreinigungen, die praktisch in jeder Substanz gelöst sind, zu beachten, daß sich die Zusammensetzung der Probe im Verdampferofen durch Verdampfung der leicht flüchtigen Teile im Laufe einer Meßreihe ändern kann (siehe Verdampfungsanalyse). Praktisch wurde bei solchen Substanzen so verfahren, daß die Ausheizung so lange fortgesetzt wurde, bis sich der Dampfdruck im Laufe der Zeit nur unwesentlichlich änderte, d. h. es wurde die Dampfdruckkurve der hauptsächlich vorliegenden Komponente gemessen. Daß diese Dampfdruckkurve nur dann die richtigen Dampfdrucke ergibt, wenn die Verdampfungsbedingungen ähnlich wie bei der Dampfdruckmessung sind, ist durchaus einzusehen¹.

Abb. 5 zeigt die Dampfdruckkurven von 5 einheitlichen Substanzen, die bis auf die letzte als Treibmittel für Diffusionspumpen und Dampfstrahlpumpen verwendet werden. Es handelt sich dabei um:

- 1. Butylphthalat
- 4. Octoil S
- 2. Octoil
- 5. Di-n-octylphthalat.
- 3. Narcoil 40

Die einzelnen Daten der verschiedenen Substanzen sind in Tab. I aufgeführt. Die Konstanten A und B ergeben sich aus der Formel für die Dampfdruckkurve

$$\log p = A - B/T$$
 (p in Torr).

Die Dampfdruckkurven von Butylphthalat, Octoil und Octoil S stimmen gut mit den vom Hersteller angegebenen Daten überein [14].

Weiter wurden die Dampfdruckkurven mehrerer chemisch heterogener Pumpentreibmittel gemessen (s. Abb. 6 und 7):

- 6. Leybold-Öl F 10. Silicon DC 703
- 7. LEYBOLD-Öl H 11. Silicon-Öl
- 8. Apiezon-Öl E 12. Trikresylphosphat².
- 9. Apiezon-Öl C

¹ Reich wird auf diese Fragen in einer weiteren Arbeit über den Enddruck von Öldiffusionspumpen näher eingehen.

² Trikresylphosphat ist ebenso wie die Clophene ein Isomerengemisch, dessen einzelne Komponenten verschiedene Dampfdrucke haben und z\u00e4hlt somit zu den heterogenen Substanzen.

Tabelle I. Zusammenstellung der Ergebnisse.

	Substanz	Chem. Zusammensetzung	Hersteller	Herstell- Jahr	Chem. Mol Gew.	Gemess. MolGew.	A	В	QL [kcal/Mol.
	Butylphthalat (a) Octoil (a)	Di-n-butylphthalat Di-2-äthylhexyl-	Cons. Vac. Corp.	1954	278	265 ± 20	12,88	5240	24,0
3.	Narcoil 40 (a)	phthalat Di-3,5,5-trimethyl-	Cons. Vac. Corp.	1954	390	375 ± 25	13,10	5920	27,1
	Octoil S (a)	hexylphthalat Di-2-äthylhexylsebazat	Nat. Res. Corp. Cons. Vac. Corp.	1954 1954	418 426	$394 \pm 25 \\ 410 + 30$	12,95 12,50	5950 6000	27,2 27,4
5.	Oktylphthalat (a) Leybold-Öl F (b)	Di-n-oktylphathalat	Leybold Köln	1950	390	$ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$	13,00 10,43	5965 5430	27,25 24,83
7.	Leybold-Öl H (b) Apiezon-Öl E (b)	Gemisch aus Kohlen-	Leybold Köln	1950 1950		385 ± 40 290 ± 30	11,82	5900 5100	26,9 23,3
	Apiezon-Ol C (b)	wasserstoffen	BASF, Ludwigshafen Metropolitan-Vick.					5925	27.1
	Siliconoil DC 703 (b)		Electrical Co. Dow Corning Corp.	1952 1953		$450 \pm 70 570 \pm 90$	11,67 12,32	6165	28,2
12.	Siliconöl (b) Trikresylphosphat (b)		Bayer, Leverkusen	1950	370	$460 \pm 75 \\ 354 \pm 25$	14,55 13,28	6920 6275	31,6 28,7
	Clophen A 30 (b) Clophen A 40 (b)	Chloriertes Benzol	Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen	1950 1950		$190 \pm 25 \ 205 \pm 20$	$10,05 \\ 10,15$	$\frac{4005}{4135}$	18,28 18,92
	Clophen A 50 (b) Apiezon-Fett P (b)	Gemisch aus schwer-	Bayer-Leverkusen Leybold Köln	1950 1950		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10,15 13,91	4350 7590	19,87 34,6
17.	Apiezon-Fett S (b) Apiezon-Fett R (b)	flüchtigen Kohlen- wasserstoffen	Leybold Köln Leybold Köln	1950 1950	_	$ 460 \pm 60 $ $ 660 + 100 $	12,52 12,54	7045 7050	32,2 32,2
	Siliconfett (b)	wanselstollen	Dow Corning Corp.	1950	_	800 ± 120	10,17	6735	30,8

⁽a) Messungen von Reich.

¹ Die Dampfdruckkurven einer größeren Anzahl von organischen höhermolekularen flüssigen und festen Substanzen wurden inzwischen von Peperle [13] gemessen und werden in Kürze veröffentlicht.

⁽b) Messungen von HERLET.

Die Kurven von Silicon DC 703 und Apiezonöl C liegen im Bereich der Messungen anderer Autoren. Aus den oben erwähnten Gründen ist es durchaus verständlich, daß bei diesen heterogenen Substanzen keine

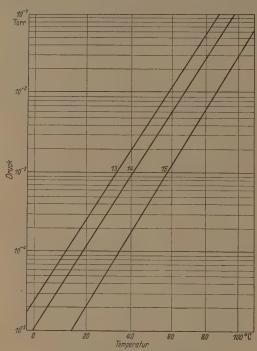


Abb. 8. Zusammenstellung der Dampfdruckkurven von: 13 Clophen A 30; 14 Clophen A 40; 15 Clophen A 50.

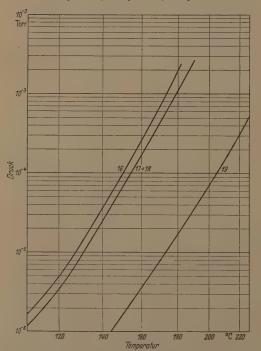


Abb. 9. Zusammenstellung der Dampfdruckkurven von: 16 Aplezon-Fett P; 17 Aplezon-Fett R; 18 Aplezon-Fett S; 19 Silicon-Fett.

so gute Übereinstimmung mit anderen Angaben zu warten ist wie bei einheitlichen Stoffen.

Abb. 8 zeigt die Dampfdruckkurven der Reihe (Clophene, die als Treibmittel für Dampfstrahlpumpund als Imprägniermittel verwendet werden.

13. Clophen A 30

14. Clophen A 40 15. Clophen A 50.

Die Bestimmung der Dampfdruckkurven v Dichtungsfetten (Abb. 9) ist nicht ganz frei von Wi kür, da sich die Fette infolge ihres niedrigen Damp druckes nur schlecht ausheizen lassen. Die Ergebnis sind als Anhalt für den Dampfdruckbereich aufzifassen.

16. Apiezon-Fett P

17. Apiezon-Fett R

18. Apiezon-Fett S 19. Silicon-Fett.

10. Verdampfungsanalyse

Die Bestimmung der Dampfdruckkurven von Sulstanzen, die aus einem Gemisch bestehen, also che

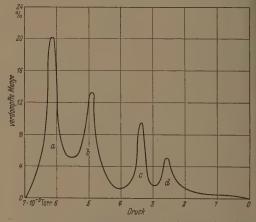


Abb. 10. Verdampfungsanalyse eines Gemisches aus je 25%. a Octoil; b Narcoil 40; c Di-n-octylphthalat; d Octoil S, Verdampfungstemperatur; $T=123^\circ$ C.

misch nicht einheitlich sind, ist insofern problematisch als sich, wie schon oben erwähnt, die Zusammer setzung der Probe im Ofen im Verlaufe einer Meßreih ändern kann. Eine solche Änderung der Zusammer setzung bewirkt, daß der Dampfdruck der Substankleiner wird. Man kann nun andererseits durch Verfolgung der Abnahme des Dampfdruckes im Laufe de Zeit einen Überblick über die Zusammensetzung de Substanz erhalten, die als Verdampfungsanalyse bezeichnet werden soll.

Das Verfahren zur Durchführung der Verdampfungsanalyse besteht darin, daß der Dampfdruck de Substanz bei konstanter Temperatur in bestimmte Zeitabständen gemessen wird, bis die eingefüllte Probrestlos verdampft ist. Da sich weiter aus der Messun der Verdampfungsgeschwindigkeit die zwischen zwe Meßpunkten verdampfte Menge berechnen läßt, erhälman so einen Zusammenhang zwischen Dampfdruc und verdampfter Menge.

Entnimmt man nun aus einer solchen Verdampf fungskurve diejenigen Mengen, die in einem be stimmten Druckbereich verdampft sind (in diesen ispiel betrug der Druckbereich 0,25 · 10⁻³ Torr) und tigt sie gegen den jeweiligen mittleren Druck auf, so chält man die Verdampfungsanalyse, wie sie in job. 10 wiedergegeben ist. (Es handelt sich dabei im linzip um eine graphische Differentiation.) Die vier laxima zeigen, daß mit dieser Methode einzelne omponenten eines Gemisches zu trennen sind. Die ampfdrucke der reinen Substanzen bei der gegebenen emperatur betragen: 1,2 · 10⁻² Torr (a), 7,5 · 10⁻³ orr (b), 4,3 · 10⁻³ Torr (c) und 1,8 · 10⁻³ Torr (d).

Zusammenfassung

1. Dampfdruckmessungen werden nach einer Menode durchgeführt, bei der der Sättigungsdampfdruck
nd die Verdampfungsgeschwindigkeit im Hochakuum mit Hilfe einer hochempfindlichen Drehspulraage gleichzeitig gemessen werden. Die benutzte
Ießapparatur, die einen Dampfdruckbereich zwischen
0-7 Torr und 10-2 Torr erfaßt, wird beschrieben.

2. Die Dampfdruckkurven von 19 technisch wichigen Substanzen wurden gemessen. Der Temperaturpereich lag dabei zwischen Zimmertemperatur und
250°C. Die Molekulargewichte der untersuchten Subtanzen wurden aus den zugehörigen Werten von
Dampfdruck und Verdampfungsgeschwindigkeit berechnet.

3. Durch laufende Messung des Dampfdruckes eines bei konstanter Temperatur verdampfenden Substanzgemisches konnte eine Unterscheidung der einzelnen Komponenten erzielt werden. Eine solche "Verdampfungsanalyse" ermöglicht eine qualitative Aussage über die Zusammensetzung des Gemisches auch dann, wenn sich die Dampfdrucke der einzelnen Komponenten nur wenig unterscheiden.

Wir danken der Firma E. Leybold's Nachfolger für apparative Unterstützung und einer von uns (G. R.) dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen und der Max Buchner-Stiftung für die Zurverfügung-Stellung von persönlichen und sachlichen Mitteln. Unser ganz besonderer Dank gilt Herrn Professor Dr. Ing. R. JAECKEL.

Literatur. [1] Mayer, H.: Z. Physik 67, 264 (1931). —

[2] Seydel, G.: Z. techn. Phys. 16, 107 (1935). — [3] Neumann, K. u. E. Völker: Z. phys. Chem. A 161, 33 (1932). —

[4] Verhoek, F. H. u. A. L. Marshall: J. Am. Chem. Soc. 61, 2737 (1939). — [5] Knudsen, M.: Ann. d. Phys. 28, 75 (1909). —

[6] Kapff, S. F. u. R. B. Jacobs: Rev. Sci. Instr. 18, 581 (1947). — [7] Volmer, M.: Z. phys. Chem.: Bodenstein Festband S. 863 (1931). — [8] Miescher, E.: Helv. phys. acta, XIV, 507 (1941). — [9] Metzger, F.: Helv. phys. acta XVI 323 (1943). — [10] Wessel, G. und W. Paul: Z. Phys. 124, 691 (1948). — [11] Oppelt, W.: "Kleines Handbuch technischer Regelvorgänge", Verlag Chemie, Weinheim, Bergstr. 1954. — [12] Oldenbourg, R. C. u. H. Sartorkus: "Dynamik selbsttätiger Regelungen", Bd. I, Oldenbourg, München 1951. — [13] Pepeerle, W.: Diplomarbeit Bonn 1956. — [14] CVC Data sheet über Pumpentreibmittel. — [15] Herlet, A.: Phys. Bl. 5, 523 (1949). — [16] Reich, G.: Phys. Verh. 4, 213 (1953). — [17] Herlet, A.: Dissertation Bonn (1951). — [18] Reich, G.: Dissertation Bonn (1955). — [19] Rohr, M. v.: Die Bilderzeugung in optischen Instrumenten. Berlin 1904.

Dr. A. HERLET und Dr. G. REICH, Physikalisches Institut der Universität Bonn.

Der Enddruck von Öldiffusionspumpen unter besonderer Berücksichtigung des Dampfdruckes der Treibmittel

Von G. Reich

Mit 8 Textabbildungen

(Eingegangen am 24. August 1956)

1. Einleitung

Seit man als Treibmittel für Diffusionspumpen höhermolekulare organische Substanzen verwendet, ist die Frage, welcher Enddruck¹ mit diesen Treibmitteln erreicht werden kann, immer wieder das Ziel eingehender Untersuchungen gewesen [1-5]. Diese Frage ist einerseits von grundsätzlichem Interesse. Andererseits ist es von großer Bedeutung, die Zusammensetzung der Gase und Dämpfe zu kennen, durch die der Enddruck gegeben ist. Diese Substanzen gelangen — soweit sie aus der Pumpe stammen durch Rückströmung in den Rezipienten und bilden dort Adsorptionsschichten. So bildet beispielsweise ein adsorbierbares Gas bei einem Partialdruck von 10⁻⁶ Torr in wenigen Sekunden eine einmolekulare Schicht. Diese Schichten können unter Umständen das Verfahren, das man im Hochvakuum durchführen will, stören. Es sei hierbei an Verfahren gedacht, bei denen es auf besonders saubere Oberflächen und kohlenwasserstofffreie Restgasdrucke ankommt, wie z. B. bei Aufdampfung, Evakuierung von Elektronenröhren und bei Kernmaschinen.

Für Diffusionspumpen gilt nun ganz allgemein, daß der niedrigste Druck, den man erreichen kann, gegeben ist durch den Sättigungsdampfdruck des Treibmittels bei der jeweiligen Temperatur des Kühlmantels bzw. des Baffles.

Man muß also mit diesem Partialdruck und einer entsprechenden Adsorptionsschicht im Rezipienten rechnen. Da der Dampfdruck von Quecksilber bei den üblichen Kühlwassertemperaturen etwa 10^{-3} Torr beträgt, ist man bei Verfahren, bei denen diese Dampfdiehte stört, gezwungen, den aus der Pumpe stammenden Quecksilberdampf in einer Kühlfalle bei niedrigen Temperaturen auszufrieren. Weil nun ein solches Verfahren insbesondere bei technischen Prozessen nicht immer möglich ist, war man bestrebt, ein Treibmittel mit einem niedrigeren Dampfdruck zu finden.

Man gelangte so zu der Entwicklung von Öldiffusionspumpen mit recht erheblichen Sauggeschwindigkeiten und niedrigen Enddrucken, mußte dafür aber eine ganze Reihe von Nachteilen, insbesondere die geringe thermische und chemische Stabilität der organischen Treibmittel, in Kauf nehmen.

Nach den ersten Arbeiten von Burch [6] und Hickman [7], die höhersiedende Mineralölfraktionen und Ester als Treibmittel verwendeten, erkannte man, daß Öldiffusionspumpen zur Erreichung eines niedrigen

¹ Unter dem Enddruck soll derjenige Druck verstanden werden, den eine Diffusionspumpe in einer verhältnismäßig kleinen Meßkammer unmittelbar oberhalb des Baffles erreicht. Baffle = Anordnung von nicht tiefgekühlten Blechen im Pumpweg zur Kondensation der Öldämpfe.

Enddruckes mit einer Einrichtung versehen werden müssen, durch die das Treibmittel von leichterflüchtigen Verunreinigungen gereinigt wird. Diese Verunreinigungen können entweder von vornherein im Treibmittel vorhanden sein, oder sie können durch chemische, thermische oder katalytische Einwirkung laufend neu entstehen. Aus dieser Erfahrung und der ungefähren Kenntnis der Dampfdrucke der verschiedenen Treibmittel erkannte man, daß der Enddruck neben dem Dampfdruck des Treibmittels in erheblichem Maße durch Zersetzungsprodukte und Verunreinigungen gegeben ist. Die weitere Entwicklung war also bestrebt, einerseits stabile Treibmittel zu finden und andererseits die Fraktionierung und Selbstreinigung des Treibmittels in der Pumpe zu verbessern.

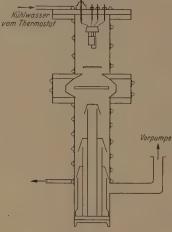


Abb. 1. Schema der Meßanordnung.

Daß es neben der Fraktionierung, die nicht so wirksam ist, wie man ursprünglich angenommen hatte (Hickman [8]), auch sehr erheblich auf die Selbstreinigungsfähigkeit der Pumpe ankommt, die darin besteht, daß die leichtflüchtigen Verunreinigungen aus dem Treibmittel ausgeschieden werden, zeigten Latham, Denis und Power [4].

Das Ziel der Untersuchungen, über die im folgenden berichtet wird, war es nun, anhand der Dampfdruckkurven von verschiedenen Treibmitteln, die nach einem von Herlet und Reich [9] angegebenen Verfahren gemessen werden, festzustellen, inwieweit der Enddruck durch den Dampfdruck des Treibmittels gegeben ist.

2. Die Temperatur-Druckkurve

In den verschiedenen eingangs zitierten Arbeiten, die zum Teil bei Jaeckel [10], Dushman [11] und Burrows [12] zusammengefaßt und kritisch gewertet sind, wird der Enddruck mitgeteilt, der mit verschiedenen Treibmitteln in einer Reihe von Diffusionspumpentypen unter bestimmten Bedingungen gemessen wurde. Die Ergebnisse der einzelnen Autoren sind durchaus nicht einheitlich in der Weise, daß behauptet werden könnte, mit einem bestimmten Treibmittel ließe sich grundsätzlich ein bestimmter Enddruck erreichen. Das gilt auch dann nicht, wenn man nur diejenigen Ergebnisse berücksichtigt, die mit dem

gleichen Meßverfahren erreicht wurden, nämlich n dem Ionisationsmanometer¹.

Als Gründe werden angegeben:

- 1. Der Zustand und die Anordnung des Me systems.
- 2. Der Grad der Fraktionierung des Treibmitte
- 3. Die laufende Zersetzung des Treibmittels.

4. Die Gasabgabe der Oberflächen.

Eine absolute Bestimmung des Enddruckes i weiterhin deshalb nicht möglich, weil die unterschieliche Empfindlichkeit des Ionisationsmanometers fi die Gase und Dämpfe, durch die der Enddruck ggeben ist, nicht bekannt ist.

Es sei nun folgendes angenommen: In dem Rauoberhalb des Baffles einer Öldiffusionspumpe, in de sog. Meßkammer, die die gleiche Temperatur wie da Baffle und die Diffusionspumpe habe, befinde sich

- 1. Treibmitteldampf. Die Dichte dieses Dampfe entspricht dem Sättigungsdampfdruck des Treibmittel bei der jeweiligen Temperatur.
- 2. Zersetzungsprodukte des Treibmittels. Dies Substanzen verhalten sich unter den Bedingungen, die in der Meßkammer vorliegen, wie ein Gas, d. h., sie können nicht kondensieren. Ihre Dichte ist somi praktisch unabhängig von der Temperatur.

Wird die Temperatur erhöht, so erhöht sich in wesentlichen der Druck des Treibmitteldampfes, wo gegen der Partialdruck der Gase fast konstant bleibt Wird nun dieser Partialdruck klein gegen den Dampf druck, so ist bei weiterer Erhöhung der Temperatur die Abhängigkeit des Druckes in der Meßkammer von der Temperatur nur gegeben durch die Dampfdruck kurve des Treibmittels. Durch Messungen der Temperatur-Druckkurve [3, 4], unter der die Abhängigkeit des Enddruckes von der Temperatur verstanden sein soll, und Vergleich dieser Kurve mit der Dampfdruck kurve des Treibmittels erhält man also eine Aussage über die Höhe der Partialdrucke des Treibmitteldampfes und der gasförmigen Zersetzungsprodukte Wird nun der Druck in der Meßkammer mit einem für Luft geeichten Ionisationsmanometer gemessen, so ergibt sich, wie weiter unten gezeigt wird, eine Dampfdruckkurve, die um einen bestimmten Faktor höher liegt, als die tatsächliche Dampfdruckkurve des Treibmittels. Durch diesen Faktor ist die relative Empfindlichkeit des Ionisationsmanometers für den Treibmitteldampf — bezogen auf die Empfindlichkeit für Luft — gegeben.

3. Meßanordnung

Die Anordnung zur Messung der Temperatur-Druckkurve zeigt Abb. 1. Auf der Hockvakuumseite der Diffusionspumpe befindet sich ein Baffle und die Meßkammer. Die Diffusionspumpe hat einen Ansaug-querschnitt von 70 mm Ø und eine Sauggeschwindigkeit von etwa 100 l/sec (Versuchsmuster der Leybold Öldiffusionspumpe DO 101). Als Vorpumpe wurde eine zweistufige Gasballastpumpe mit einer Förderleistung von 5 m³/h verwendet. Meßkammer, Baffle und Diffusionspumpe sind mit aufgelöteten Kupferrohrschlangen versehen, die von oben nach unten vom Kühlwasser durchflossen werden. Die Kühlwasserversorgung erfolgt über einen Thermostaten, mit dessen

¹ In den folgenden Untersuchungen wird zur Messung des Enddruckes lediglich das Ionisationsmanometer verwendet. Efe eine bestimmte Temperatur eingestellt und konant gehalten werden kann.

Durch hinreichende Dimensionierung der Kühlwsserleitungen wurde dafür gesorgt, daß der Kühlwsserumlauf so schnell ist, daß die im Thermostaten nessene Kühlwassertemperatur mit hinreichender nauigkeit die Temperatur der Meßkammer wiedert. Die Messung des Druckes erfolgt mit einem in 1: Meßkammer frei aufgehängten Triodensystem der nisationsmanometerröhre IM 1 mit den Betriebslen: $U_g = +200 \text{ V}, \ U_a = -40 \text{ V}, \ i_= 1 \text{ mA}$ sahilisiert).

abilisiert).

Diese Anordnung zur Druckmessung wurde auch n LATHAM [4] und BLEARS [3] verwendet und von zterem eingehend untersucht. BLEARS kommt zu m Ergebnis, daß ein in der Meßkammer aufgehängtes stem — er nennt es "high-speed-gauge" — den tatzelichen Druck mit größerer Sicherheit mißt, als me nach der üblichen Weise angebrachte Ionisationsunometerröhre.

4. Versuchsverfahren

- a) Nach sorgfältiger Reinigung der Pumpe, des itstes und der Meßkammer mit den entsprechenden isungsmitteln wurde die Pumpe etwa 1 Tag mit einer sten Treibmittelfüllung betrieben. Dieser erste Verch diente dazu, die Pumpe von etwa noch vorhannen Resten des vorherigen Treibmittels und des isungsmittels zu reinigen und um einen ersten Überick über das Verhalten des Treibmittels zu erhalten ie erste Probe wurde dann ausgegossen und die impe ohne neuerliche Reinigung mit neuem Treibittel versehen. Mit dieser zweiten Probe wurden um alle weiteren Versuche durchgeführt.
- b) Das Ionisationsmanometer wurde während des sten Auspumpens bei einem Druck von etwa rafter eingeschaltet. Das System wurde dann rischen 10-4 und 10-5 Torr durch Elektronenbomradement auf Gitter und Anode solange ausgeheizt, s sich die Druckanzeigen vor und nach einem Ausizprozeβ nicht mehr unterschieden. Das Manometer ieb dann während sämtlicher Versuche in Betrieb ad wurde nicht mehr ausgeheizt.
- c) Um zu vermeiden, daß der Restgasdruck in der aßkammer zum Teil durch Gasabgabe der Oberflächen geben ist, wurden vor jedem Versuch Pumpe, Baffle id Meßkammer etwa 5 Stunden lang bei Temperaren bis zu 100°C ausgeheizt. Eine Kontrolle, ob ausheizung hinreichend war, ergibt sich aus dem brlauf der Temperatur-Druckkurve, wie weiter unten zeigt wird.
- d) Zur Messung der Temperatur-Druckkurve wurde e Kühlwassertemperatur mit dem Thermostaten auf den bestimmten Wert eingestellt und konstant gelten. Der jeweilige Druck wurde abgelesen, nachm sich die Anzeige 30 Minuten lang nicht geändert ette.

5. Treibmittel

Als Treibmittel für Öldiffusionspumpen werden verschiedene Gruppen verwendet und zwar:

- 1. chemisch einheitliche Substanzen und
- 2. nicht einheitliche Substanzen.

Unter nicht einheitlichen Substanzen sollen solche rstanden werden, deren einzelne Komponenten bei der bestimmten Temperatur unterschiedliche Dampfdrucke haben¹, wie z. B. die Apiezonöle (allgemein Mineralöle) und Siliconöle. Da die Dampfdrucke von Isomeren der gleichen Grundsubstanz durchaus verschieden sein können, wird ein Treibmittel, das sich aus einem Isomerengemisch zusammensetzt, ebenfalls zu der Gruppe der nicht einheitlichen Treibmittel gerechnet.

Als chemisch einheitliche Treibmittel werden im allgemeinen die unter dem Namen Weichmacher bekannten Substanzen verwendet und von diesen vorzugsweise Sebacin- und Phthalsäureester, die inzwischen mit verhältnismäßig großer Reinheit hergestellt werden können. Da bei diesen Substanzen die

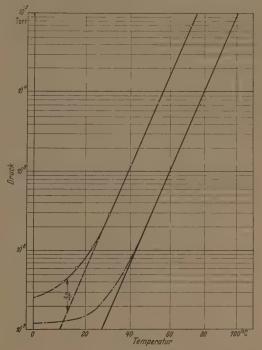


Abb. 2. Temperatur-Druckkurve von Narcoll 40.

übersichtlichsten Ergebnisse zu erwarten waren, wurden sie zunächst untersucht.

Als Treibmittel wurden verwendet:

- a) chemisch einheitlich:
 - 1. Narcoil 40 (National Research Corp.),
 - 2. Octoil (Consolidated Vacuum Corp.),
 - 3. Dibutylphthalat;
- b) nicht einheitlich:
 - 1. Clophen A 40 (Bayer, Leverkusen),
 - 2. Leybold-Öl F (Leybold, Köln),
 - 3. Apiezon-Öl C (Metropolitan Vickers Electrical Co.),
 - 4. Silicon DC 703 (Dow Corning Corp.).

Narcoil 40 ist ein stark verzweigtes Dinonylphthalat (Di-3,5,5-trimethylhexylphthalat). Octoil ein weniger verzweigtes Dioctylphthalat (Di-2-äthylhexylphthalat). Clophen A 40 ist ein chloriertes Benzol, Leybold-Öl F und Apiezon-Öl C sind Mineralölfraktionen. Silicon DC 703 setzt sich aus synthetisch auf der

¹ Siehe Herlet und Reich [9] Verdampfungsanalyse.

Grundlage von SiO aufgebauten Ketten von verschiedener Länge zusammen. Clophen A 40 und Dibutylphthalat sind Treibmittel für Treibdampfpumpen und Dampfstrahlsauger, wogegen die übrigen Substanzen ausgesprochene Diffusionspumpentreibmittel sind.

6. Meßergebnisse mit chemisch einheitlichen Treibmitteln

Die Temperatur-Druckkurve von Narcoil 40 ist auf Abb. 2, von Octoil auf Abb. 3 und von Dibutylphthalat auf Abb. 4 wiedergegeben, Auf den Zeich-

nungen ist außerdem die entsprechende Dampfdruckkurve eingezeichnet, die jeweils unter der Temperatur-Druckkurve liegt. Das Ergebnis ist nun folgendes:

1. Die Temperatur-Druckkurven von Narcoil 40 und Octoil verlaufen bei höheren Temperaturen genau parallel zur Dampfdruckkurve, In diesem Bereich ist der Druck nur durch den Dampfdruck des Treibmittels gegeben.

2. Die Druckdifferenz Δp zwischen der Verlängerung des geraden Teils der Temperatur-Druckkurve nach niedrigen Temperaturen (gestrichelt eingezeichnet) und den gemessenen Werten ist unabhängig von der Temperatur und konstant. Das bedeutet, daß die Substanzen, durch die dieser Partialdruck hervorgerufen ist, sich unter den vorliegenden Bedingungen wie ein Gas verhalten und somit im Gegensatz zum Treibmitteldampf nicht kondensieren können.

3. Die Temperatur-Druckkurve von Dibutylphthalat ist über den ganzen Temperaturbereich parallel zur Dampfdruckkurve. Der Enddruck ist somit durch den Treibmitteldampf gegeben.

a) Die relative Empfindlichkeit des Ionisation manometers für den entsprechenden Treibmitteldan ist gegeben durch den Faktor, um den der lineare Tder Temperatur-Druckkurve höher liegt als die Dam druckkurve, d. h. daß das Ionisationsmanometer diese Dämpfe um diesen Faktor empfindlicher Dieser Faktor beträgt bei Narcoil 40: 13,1; bei Octo 13 und bei Dibuthylpthalat: 9,15 (s. Tab. I, Spalte

		T	tabelle 1			
1	2	3	4	5	6	7
Treibmittel	rel. Empf.	p _ε (10° C) (Torr)	∆p (Torr)	p _d (10° C) (Torr)	M	M rel. Em
Dibutylphthalat Narcoil 40 Octoil	9,15 13,1 13	$2,2 \cdot 10^{-5} \ 3,5 \cdot 10^{-7} \ 6 \cdot 10^{-7}$	$\begin{array}{c c} - & - \\ 2,4 \cdot 10^{-7} \\ 4,2 \cdot 10^{-7} \end{array}$	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	278 418 390	30,6 31,9 30
Clophen A 40 Leybold-Öl F Apiezon-Öl C Silicon DC 703	=	$\begin{array}{c} 2 \cdot 10^{-7} \\ 9 \cdot 10^{-7} \\ 7 \cdot 10^{-7} \\ 7 \cdot 10^{-7} \end{array}$	$\begin{array}{c c} & \\ & 4.5 \cdot 10^{-7} \\ & 5.8 \cdot 10^{-7} \\ & 6 \cdot 10^{-7} \end{array}$	<u>-</u>	$\begin{vmatrix} \sim 260 \\ \sim 400 \\ \sim 450 \\ \sim 570 \end{vmatrix}$	=

Die relative Empfindlichkeit ist aufzufassen eine Eichgröße, mit der es möglich ist, den Dampfdru des entsprechenden Treibmittels mit einem für Ligeeichten Ionisationsmanometer zu messen. In Tabell ist in Spalte 7 das Verhältnis von Molekulargewicht relativer Empfindlichkeit eingetragen. Dieses Verhän is ist bei den drei gemessenen Substanzen etwa = Es soll nicht behauptet werden, daß damit eine all meingültige Gesetzmäßigkeit gefunden worden ist, wohl nicht so einfach sein kann. Jedoch ist es siel möglich, aus diesem Verhältnis die relative Empfin

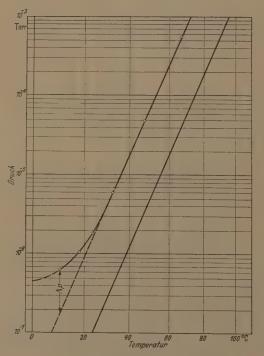


Abb. 3. Temperatur-Druckkurve von Octoil.

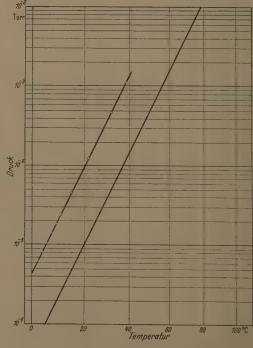


Abb. 4. Temperatur-Druckkurve von Dibutylphthalat.

ijhkeit für andere, ähnliche Substanzen mit einer Geruigkeit zu berechnen, die für viele Fälle ausreicht.

b) Die Temperatur-Druckkurve von Narcoil 40 1d Octoil zeigen, daß der Enddruck (p_e) , Spalte 3), on die verwendete Pumpe bei diesen Versuchen erreht hat, um einen bestimmten Gas-Partialdruck Δp 5 Ber ist als der Druck, der durch den Dampfdruck S Treibmittels bei einer bestimmten Kühlwassertmperatur gegeben ist (p_d) , Spalte 5).

Dieser Gas-Partialdruck (△p, Spalte 4) kann ge-

ben sein durch:

1. Rückdiffusion von Permanentgasen aus dem Vorvakuum,

2. eine Undichtigkeit der Meßkammer,

3. Gasabgabe der Oberflächen und

4. Zersetzungsprodukte und Verunreinigungen des Treibmittels.

Zu 1. Eine Rückdiffusion aus dem Vorvakuum erheint ausgeschlossen, da bei allen Versuchen ein Vorakuumdruck eingehalten wurde, der wesentlich niedger war als die Vorvakuumbeständigkeit der Pumpe.
Zu 2. Die Undichtigkeit der ganzen Anlage einschl.
orvakuumleitung betrug 1 · 10⁻⁶ Torr 1/sec, so daß
ruch sie zum mindesten nicht allein dieser Partialruck gegeben sein kann. Darüber hinaus war mit den
olichen Lecksuchmethoden keine Undichtigkeit der
eßkammer feststellbar.

Zu 3. Eine Gasabgabe ist immer temperaturbhängig. Wäre durch Entgasung der Oberflächen ne meßbare Gasmenge frei geworden, so müßte die emperatur-Druckkurve einen anderen Verlauf haben. emperatur-Druckkurven dieser Art sind sowohl von LEARS [3] als auch von LATHAM [4] angegeben woren. In beiden Arbeiten liegen sie jedoch höher und erlaufen nicht parallel zur Dampfdruckkurve. Da beide Autoren in ihren sehr ausführlichen Berichten eine Ausheizung der Meßkammer nicht erwähnen, muß angenommen werden, daß ihre Messungen durch Gasabgabe der Wände beeinflußt gewesen sind. (Wurde die Ausheizung, wie sie in Abs. 4, c) beschrieben ist, unterlassen, so ergab sich ein ähnlicher Verlauf der Temperatur-Druckkurve wie bei Blears und Latham.)

Zu 4. Dieser Gas-Partialdruck muß also in erster Linie durch Zersetzungsprodukte bzw. ganz allgemein durch leichtflüchtige Verunreinigungen des Treibmittels gegeben gein.

mittels gegeben sein.

Diese Verunreinigungen gelangen mit dem Treibmitteldampf zu den einzelnen Düsen und in den Dampfstrahl, den sie durch Diffusion verlassen können. Die Dichte dieser Verunreinigungen in der Meßkammer ist also gegeben durch ihre Dichte im Dampfstrahl der Hochvakuumstufe.

Die relative Empfindlichkeit des Ionisationsmanometers für diese Substanzen läßt sich auf Grund dieser Versuche nicht angeben. Sie ist jedoch sicher einerseits wesentlich kleiner als die Empfindlichkeit für den Treibmitteldampf, da es sich um verhältnismäßig kurze Bruchstücke der Treibmittelmoleküle handeln muß und andererseits größer als 1.

Angenommen, die relative Empfindlichkeit sei gleich 2, dann ist durch die in Abb. 2 strichpunktiert eingezeichnete Kurve die tatsächliche Abhängigkeit des Enddruckes von der Temperatur gegeben. Aus dem Verlauf dieser Kurve folgt, daß der Enddruck bei Temperaturen unter 20°C praktisch unabhängig von der Temperatur ist, d. h., daß die Dichte der leichtflüchtigen Verunreinigungen groß gegen den Dampfdruck des Treibmittels ist. Der Enddruck ist also praktisch nur durch Verunreinigungen bzw. Zersetzungsprodukte gegeben.

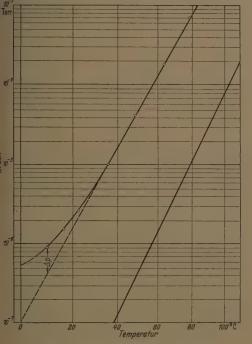


Abb. 5. Temperatur-Druckkurve von Leybold-Öl F.

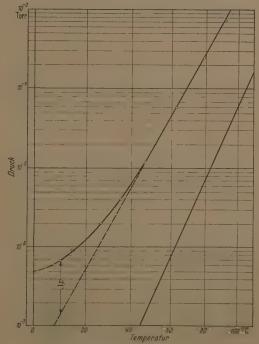


Abb. 6. Temperatur-Druckkurve von Apiezon-Öl C.

Verwendet man dagegen ein Treibmittel mit verhältnismäßig hohem Dampfdruck wie Dibutylphthalat (Abb. 4), so ist die Temperatur-Druckkurve über den ganzen Temperaturbereich parallel zur Dampfdruckkurve. Diese Substanz hat ein geringeres Molekulargewicht als die üblichen Treibmittel und verdampft infolge ihres höheren Dampfdruckes im Siedegefäß bei niedrigeren Temperaturen. Aus diesen Gründen ist die bei der Verdampfung entstehende Menge von Zersetzungsprodukten geringer, so daß deren Dichte in der Meßkammer klein ist gegen den Dampfdruck des Treibmittels. Der Enddruck ist bei den üblichen Kühlwassertemperaturen nur durch Treibmitteldampf gegeben, dafür aber verhältnismäßig hoch.

7. Meßergebnisse mit nicht einheitlichen Treibmitteln

Die Temperatur-Druckkurve zusammen mit der Dampfdruckkurve von Leybold-Öl F ist auf Abb. 5, von Apiezonöl C auf Abb. 6, von Silicon DC 703 auf Abb. 7 und von Clophen A 40 auf Abb. 8 eingetragen. Der Verlauf der Temperatur-Druckkurven von Leybold-Öl F, Apiezon-Öl C und Silicon DC 703 ist ähnlich wie bei Narcoil 40 und Octoil. Es zeigt sich ebenfalls ein von der Temperatur unabhängiger Partialdruck Δp von leichtflüchtigen Verunreinigungen. Clophen A 40 als Treibmittel mit hohem Dampfdruck zeigt das gleiche Verhalten wie Dibutylphthalat.

Bei diesen nicht einheitlichen Treibmitteln ist es jedoch nicht möglich, eine relative Empfindlichkeit des Ionisationsmanometers anzugeben, da die Steigung der Dampfdruckkurven größer ist als die Steigung des linearen Teiles der Temperatur-Druckkurven, die beiden Kurven sind also nicht parallel. Weiter ist der Abstand zwischen der Temperatur-Druckkurve und der Dampfdruckkurve wesentlich größer als bei heitlichen Treibmitteln.

Der Grund für diese Diskrepanz muß in der stimmung der Dampfdruckkurve zu suchen sein¹. Zusammensetzung der Dampfphase eines Gemisch und damit der Dampfdruck ist nicht nur abhän von der Zusammensetzung der flüssigen Phase ti deren Temperatur, sondern - wie man von der Me kulardestillation her weiß - auch von dem V dampfungsvorgang selbst. Die Verdampfungsv gänge im Ofen bei der Dampfdruckmessung und Siedegefäß der Diffusionspumpe unterscheiden s jedoch recht erheblich. Im Verdampferofen fine eine reine Oberflächenverdampfung statt, die Folge hat, daß leichter flüchtige Komponenten nachdem sie aus der obersten Schicht verdampft sind nur durch Diffusion aus tiefer gelegenen Schicht nachgeliefert werden können. Diese Diffusion ist wesentlichen der den Dampfdruck bei diesem Me verfahren bestimmende Vorgang, so daß die Dam druckkurve nur dann den richtigen Dampfdru wiedergibt, wenn der Verdampfungsvorgang gleiche ist.

Die Verdampfung im Siedegefäß der Diffusion pumpe erfolgt dagegen ausgesprochen turbulent, ist durchaus einzusehen, daß unter diesen Bedingung die leichter flüchtigen Komponenten in wesentligrößerem Maße verdampfen können, so daß der Konzentration in der Dampfphase und damit de Dampfdruck größer ist als bei reiner Oberflächenverdampfung.

Der lineare Teil der Temperatur-Druckkurven f diese nicht einheitlichen Substanzen ist also aufz

¹ Siehe Herlet und Reich [9]: Meßergebnisse.

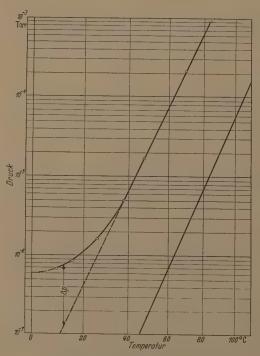


Abb. 7. Temperatur-Druckkurve von Silicon DC 703.

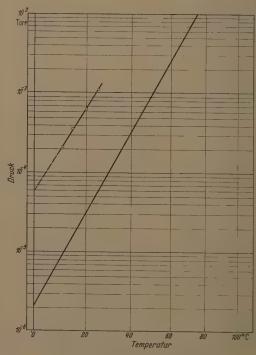


Abb. 8. Temperatur-Druckkurve von Clophen A 40.

lierte Dampfdruckkurve der leichtflüchtigen Komdenten des Treibmittels. Die Dampfdruckkurve iser Komponenten läßt sich nicht bestimmen, da sie a nicht von den schwer flüchtigen Teilen des Treibntels trennen lassen.

8. Enddruck und Baffletemperatur

Der Enddruck einer Öldiffusionspumpe setzt sich ammen aus Treibmitteldampf und gasförmigen Zerzungsprodukten bzw. Verunreinigungen des Treibitels¹

Die Dichte des Treibmitteldampfes ist bei einheitnen Substanzen gegeben durch den Sättigungsnpfdruck des Treibmittels bei der Temperatur des ffles und der Meßkammer, bei nicht einheitlichen bstanzen durch den Sättigungsdampfdruck der htflüchtigen Komponenten des Treibmittels. Die hte des Treibmitteldampfes kann also durch die

ffletemperatur beeinflußt werden.

Die Dichte der Zersetzungsprodukte ist bei Kühlssertemperaturen unter 20° groß gegen den Dampflick des Treibmittels. Diese leichtflüchtigen Subnzen verhalten sich unter den gegebenen Bedingen wie ein Gas, d. h. sie können nicht kondenren. Ihre Dichte kann somit nicht durch die mperatur des Baffles beeinflußt werden. Der ddruck ist also in erster Linie auch bei sogenannten stkühlbaffeln durch gasförmige Spaltprodukte des eibmittels gegeben. Einen niedrigen Enddruck ercht man also entweder mit einem Treibmittel, das h nicht zersetzt, oder — da sich eine Zersetzung allgemeinen nicht vermeiden läßt — mit einer

¹ Anmerkung bei der Korrektur: Aus einer inzwischen chienenen Arbeit [13] geht hervor, daß dieser Gaspartialtek wenigstens zum Teil durch Gasabgabe der Dichtungsterialien (es wurde Perbunan 63 Pa/677 verwendet) gehen sein kann.

Pumpe, die diese Zersetzungsprodukte durch Entgasung des Treibmittels und Selbstreinigung möglichst vollständig in das Vorvakuum abgibt.

Zusammenfassung

Durch Messung der Temperatur-Druckkurve, unter der die Abhängigkeit des Enddruckes einer Öldiffusionspumpe von der Kühlwassertemperatur verstanden sein soll und Vergleich dieser Kurve mit der Dampfdruckkurve des Treibmittels, konnte einerseits die Empfindlichkeit des Ionisationsmanometers für verschiedeneTreibmitteldämpfe bestimmt und andererseits Aussagen über die Zusammensetzung der den Enddruck bestimmenden Gase und Dämpfe gemacht werden. Die charakteristischen Unterschiede zwischen einheitlichen und nicht einheitlichen Treibmitteln wurden dabei aufgezeigt.

Für Diskussionen und Anregungen bin ich Herrn Prof. Dr. R. JAECKEL und Herrn Dr. NÖLLER zu Dank verpflichtet. Ferner gilt mein Dank für materielle und apparative Unterstützung der Firma E. Leybold's

Nachfolger, Köln.

Literatur. [1] Hickman, K. C. D.: J. Franklin Inst. 221, 215 u. 383 (1936). — [2] Jaeckel, R.: Z. techn. Phys. 7, 177 (1942). — [3] Blears, J.: Proc. Roy. Soc. 188, 62 (1946). — [4] Latham, D., B. D. Power und N. T. M. Denis: Vacuum, I, 97 (1951). Vacuum, II 33 (1952). — [5] Coe, R. F. und L. Riddifford: J. sci. Instr. 32, 207 (1955). — [6] Burch, C. R.: Nature 122, 729 (1928). — [7] Hickman, K. C. D. und C. R. Sanford: Rev. Sci. Instr. 1, 140 (1930). — [8] Hickman, K. C. D.: Rev. Sci. Instr. 22, 141 (1951). — [9] Herler, A. und G. Reich: Z. angew. Phys. 9, 14 (1957). — [10] Jaeckel, R.: "Kleinste Drucke, ihre Messung und Erzeugung", Springer, Berlin 1950. — [11] Dushman, S.: "Scientific Foundations of Vacuum Techniques", Chapiman u. Hall, New York, London 1949. — [12] Burrows, G.: J. Soc. Chem. Instr. 65, 360 (1946). — [13] Haefer, R. u. O. Winkeler: Vakuumtechnik 5, 149 (1956).

Dr. G. Reich, Physikalisches Institut der Universität Bonn.

Uber Versuche zur Bestimmung der Deformationskorrektur von Kolbenmanometern durch kapazitive Messung der Spaltbreite*

Von H.-J. BÜLTEMANN und M. SCHUSTER

Mit 8 Textabbildungen

(Eingegangen am 16. August 1956)

1. Problemstellung

Im Druckbereich zwischen 25 und etwa 5000 kp/cm² rd als Fundamentalgerät das Kolbenmanometer betzt [1]. Bei diesem wird der zu messende Druck aus r Kraft berechnet, die auf einen Kolben wirkt, der einen Hohlzylinder eingeschliffen ist. Der Druck gibt sich dabei gemäß seiner Definition aus dem otienten aus der Kraft und der Fläche, auf die der uck wirkt. Diese Fläche wird als der wirksame erschnitt bezeichnet. Dieser ist für den dichtungsteingeschliffenen sogenannten Amagatkolben gleich m Mittel aus Kolben-und Zylinderquerschnitt [2][3]. Infolge der elastischen Eigenschaften des Materials n Kolben und Zylinder (im folgenden stets als stem bezeichnet) erfährt der wirksame Querschnitt in Veränderung durch den zu messenden Druck, und

* Mitteilung aus dem Deutschen Amt für Maß und Gecht, Berlin. für die Berechnung des Druckes ist an Stelle des geometrisch ausgemessenen oder bei niedrigen Drücken durch Anschluß an ein Flüssigkeitsmanometer bestimmten Wertes des wirksamen Querschnittes der durch den Druck veränderte Wert einzusetzen.

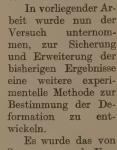
Für genaue Messungen bei höheren Drücken ist daher die Kenntnis der Größe der Deformation des Systems erforderlich. Man hat diese zunächst angenähert berechnet, indem man die Deformationen für einen unter Innendruck stehenden Hohlzylinder und für einen unter Außendruck stehenden Vollzylinder ansetzte [4] [5] [6] [7].

Dabei wurde bewußt vernachlässigt, daß wegen des Druckabfalles, der in dem zwischen Kolben und Zylinder vorhandenen Spalt auftritt, Kolben und Zylinder nicht auf ihrer gesamten Länge dem vollen Druck ausgesetzt sind, was insofern berechtigt war, als der meßtechnisch erfaßte Druckbereich 1000 kp/cm² nicht

überschritt und die dabei auftretenden Deformationskorrekturen nur klein waren. Von Interesse ist, daß Klein [4] einen experimentellen Nachweis der Deformation durch Messung des Druckabfalles längs des Spaltes bei verschiedenen Innendrücken durchführte und durch graphische Differentiation der Druckabfallkurve den prinzipiellen Verlauf der Druckabhängigkeit der Spaltbreite bestimmte.

Aufgrund der Erweiterung des durch Kolbenmanometer erfaßten Meßbereiches auf 5000 kp/cm² führte Ebert [8] eine experimentelle Bestimmung der Größe der Deformationskorrektur durch Vergleich zweier Druckwaagen über eine Differenzdruckwaage durch und konnte eine befriedigende Übereinstimmung mit

den theoretischen Werten feststellen.



SCHERING und VIE-WEG [9] zur Schmierspaltmessung an umlaufenden Wellen angegebene und POTTHOFF und KESER [10] auf die Ausmessung von Durchmessern von Bohrungen mittels Lehrdornen an-

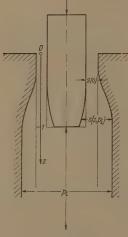


Abb. 1. Schematische Darstellung eines deformierten Systems.

gewandte kapazitive Verfahren benutzt. Dabei wird die Kapazität des von Kolben und Zylinder mit dem Schmierfilm als Dielektrikum gebildeten Zylinderkondensators in Abhängigkeit vom Druck gemessen.

2. Theoretische Grundlagen des Meßverfahrens

Man betrachtet ein derartiges System (Abb. 1), bei dem Kolben und Zylinder durch den Innendruck p. deformiert sind und Abweichungen von der für den belastungsfreien Zustand angenommenen Kreiszylinderform aufweisen, und bei dem der Druck entlang des zwischen Kolben und Zylinder gebildeten Spaltes vom Wert $p = p_i$ im Innern auf den Wert p = 0 am äußeren Ende des Spaltes abfällt. Dabei ist angenommen, daß das System auf jeden Fall konzentrisch bleibt, was aufgrund der zentrierenden Wirkung des Druckes und des Umstandes, daß sich der Kolben in Rotation befindet, zu erwarten ist.

Wird mit z der in Einheiten der Spaltlänge gemessene Abstand vom äußeren Ende des Spaltes bezeichnet und ist die Spaltbreite s klein gegen den Durchmesser des Systems, so ergibt sich für dessen Kapazität, wenn $\varepsilon(z, p_i)$ die Dielektrizitätskonstante (DK) des Schmierfilmes an der Stelle z bei dem dort herrschenden Druck

 $C(p_i) = F \int_{0}^{1} \frac{\varepsilon(z, p_i)}{s(z, p_i)} dz$. (1)

Dabei ist F die Fläche des Zylinderkondensators.

Man setzt nun:

$$\begin{split} \varepsilon(\mathbf{z},\,p_i) &= \varepsilon(0) \cdot E(\mathbf{z},\,p_i) \,, \\ s(\mathbf{z},\,p_i) &= s(0) \cdot F(\mathbf{z},\,p_i) \,, \end{split}$$

wobei s(0) die Spaltbreite und $\varepsilon(0)$ die DK im belasteten Zustand sind.

Mit $\frac{F\cdot \varepsilon(0)}{s(0)}=C(0)$ erhält man das Verhältnis beim Druck p_i herrschenden zu der beim Druck 0 he schenden Kapazität zu

$$rac{C(p_i)}{C(0)} = \int\limits_0^1 rac{E(z, p_i)}{F(z, p_i)} dz$$
.

Die Funktion $F(z, p_i)$ enthält nun außer der Grö auch die Form der Deformation des Spaltes, und ist insofern von Wichtigkeit, als daraus Rückschlü auf Form und Größe der Deformation von Koll und Zylinder gezogen werden können; und dara wiederum lassen sich nach dem von Somervan [11] angegebenen Verfahren die Korrekturen für d wirksamen Querschnitt berechnen. Gelingt es al aus Gl. (2) $F(z, p_i)$ explizit zu berechnen, so ka der wirksame Querschnitt für jeden Druck expe mentell direkt bestimmt werden, wobei nur beim Üb gang von der Gesamtdeformation des Systems zu d Einzeldeformationen von Kolben und Zylinder Elastizitätstheorie benutzt wird. Man sieht aber, ceine explizite Darstellung von $F(z, p_i)$ aus GI. nicht möglich ist. Es bleibt die Möglichkeit, un verschiedenen Ansätzen für $F(z, p_i)$ mit geeigne Parametern den herauszusuchen, für den die Übere stimmung mit den experimentell bestimmten C(pi)/CKurven am besten ist. Es wurde daher die Funkt $C(p_i)/C(0)$ für verschiedene einfache Ansätze für F(z,berechnet. Dabei wurde angenommen, daß die Grö der Deformation von Kolben und Zylinder am inner Ende des Spaltes den elastizitätstheoretischen W besitzt und daß sie am äußeren Ende des Spaltes (a gesehen von der durch die Kolbenstauchung v ursachten) 0 ist, da dort der Druck 0 herrscht. $E(z, p_i)$ wurde die Druckabhängigkeit der DK du einen im Druck linearen Ausdruck angenähert, so d man erhält:

$$E(z, p_i) = 1 + \gamma \cdot p(z, p_i).$$

Der Druckverlauf $p(z, p_i)$ entlang des Spaltes lä sich bei bekannter (oder vorausgesetzter) Spaltfor mit Hilfe des Poiseuilleschen Gesetzes berechnen.

Berechnet wurden:

- a) Linearer Spaltverlauf: $F(z,\,p_i)=a+\delta z$ b) Quadratischer Spaltverlauf: $F(z,\,p_i)=a+\delta z^2$
 - c) Funktion 2. Grades:

$$F(z, p_i) = a + \delta(uz + vz^2); \ u + v =$$
etz: $F(z, p_i) = a + \delta \sqrt{z}$

d) Wurzelgesetz:

e) Hyperbolischer
Spaltverlauf: $F(z, p_i) = \frac{a}{1 - \frac{\delta}{a + \delta}}$ mit

 $\delta = \alpha \cdot p_i; \qquad \alpha = \frac{r_m}{s(0)} \cdot \frac{K+1-\mu}{E}$

(Einfluß von Zylinderdehnung und Kolbenkompressi auf das innere Ende des Spaltes)

$$a=1-eta\cdot p_i; \quad eta=rac{r_m}{s(0)}\cdot rac{\mu}{E}$$

(Einfluß der Kolbenstauchung auf den Spalt)

Mittel aus Kolben- und Zylinderradius

): Spaltbreite im unbelasteten Zustand

Poissonsche Zahl (ungefähr 0,3 für Stahl)

Elastizitätsmodul

Deformationskonstante eines durch Innendruck beanspruchten Hohlzylinders (für dickwandige Zylinder etwa 1,4).

Abb. 2 zeigt die berechneten Kurven $(p_i)/C(0)$, gestrichelt ohne die Kortur für die Druckabhängigkeit der Kdes Schmiermittels, ausgezogen mit ber. Man erkennt den starken Einß dieser Korrektur.

Bei diesen Ansätzen wurde annommen, daß die Deformationen in Kolben und Zylinder zwar von rschiedener Maximalgröße (deren elazitätstheoretisch berechneter Wert nutzt wurde), aber von gleicher orm entlang des Spaltes sind.

Diese Annahme dürfte insofern ne brauchbare Näherung sein, als Deformationen durch die jeweils eichen Drücke verursacht werden. Im anderen hätte eine Verfeinerung ir Voraussetzung zurzeit noch wenig nn, da meßtechnische und fertigungs-

chnische Gründe (Abweichungen von der Idealform) erartige Feinheiten nicht erkennen lassen.

3. Experimenteller Teil

Die Messungen wurden durchgeführt an verschieonen Systemen der vom Meßgeräte- und Armaturenerk Karl-Marx in Magdeburg (früher Schäffer & udenberg) hergestellten Druckwaage für einen Meßereich bis 6000 kp/cm², die der bequemeren Handbung wegen in ein älteres unterschaliges Kolbenanometer eingesetzt worden waren.

Da sich kurzzeitige häufige Durchschläge des Ölmes nicht vermeiden ließen, konnten Meßverfahren,
e die Kapazität über eine Spannungsmessung beimmen — also auch Brückenverfahren — nicht verendet werden, obwohl das in Anbetracht der bememen Größe der Meßkapazität selbst (einige nF)
ad auch von deren Änderung (etwa 12—20% für
00 kp/cm²) das einfachste gewesen wäre. Daher
urde die Kapazität über die Frequenz eines die Meßapazität enthaltenden Schwingkreises gemessen, woi die Frequenz oszillographisch mit einer festen
requenz verglichen wurde. Bei diesem Verfahren

stören kurzzeitige Durchschläge nicht, da die Einschwingzeit klein gegen die Zeit zwischen zwei Durchschlägen ist, während bei der Amplitudenmessung die Einstellzeit des Instrumentes in der Größenordnung dieser Zeit liegt und dadurch eine Verfälschung der Anzeige eintritt. Abb. 3 zeigt das Blockschaltbild der Meßanordnung.

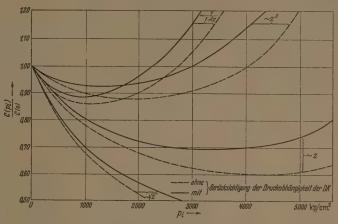


Abb. 2. Einfluß der Form des Spaltes auf die Druckabhängigkeit der Spaltkapazität.

Mittels des variablen Normalkondensators wird die Kapazitätsänderung des Meßkondensators kompensiert, wobei auf Frequenzgleichheit des variablen Oszillators mit einem festen Oszillator eingestellt wird. Als Indikator dafür dient eine Lissajousfigur auf dem Schirm des Kathodenstrahloszillographen. Die Meßrequenz beträgt etwa 7 kHz. Während der Messungen wurde der Kolben mit einer Drehzahl von etwa 15 U/min in Rotation gehalten.

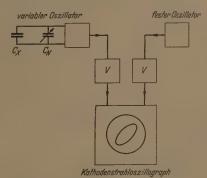


Abb. 3. Blockschaltbild der Kapazitätsmeßanordnung.

Die Druckabhängigkeit der DK des Schmiermittels (Rizinusöl) wurde mit der für die Spaltbreitemessung benutzten Anordnung gemessen, wobei einige Daten der Schaltung der wesentlich kleineren Meßkapazität angepaßt wurden. Dabei zeigten sich mit steigendem Druck sehr starke Dispersionserscheinungen¹, die es erforderlich machten, die Meßfrequenz möglichst nahe

¹ Es ist beabsichtigt, diese hier nur als Hilfsmessung durchgeführten Messungen mit verbesserter Apparatur in einem weiteren Frequenzbereich als Messung der komplexen DK durchzuführen, da die bei verhältnismäßig niedrigen Drücken und Frequenzen einsetzende Dispersion auf eine starke Behinderung auch der Rotationsfreiheitsgrade hindeutet.

der bei der Spaltbreitemessung benutzten Frequenz zu bringen. Es wurde bis zu 10 kHz herab gemessen.

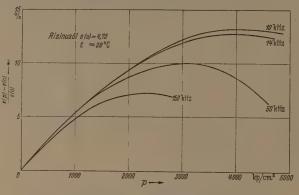


Abb. 4. Druckabhängigkeit der Dielektrizitätskonstante von Rizinusöl bei verschiedenen Frequenzen.

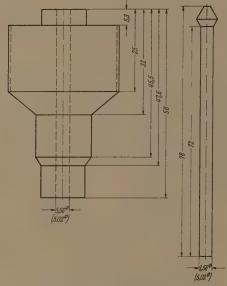


Abb. 5. Abmessungen der untersuchten Systeme

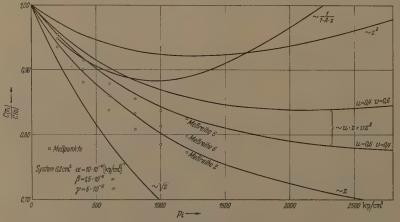


Abb. 6. Vergleich von berechneten und gemessenen Werten der Druckabhängigkeit der Spaltkapazität für das System 0,2 cm².

Abb. 4 zeigt, daß unterhalb 10 kHz bei den verv deten Drücken eine wesentliche Änderung des Dri-

koeffizienten nicht mehr zu erwarten ist.

Da die Spaltbreitemessung bis e 2400 kp/cm² durchgeführt wurde, wurde die Rechnung ein Druckkoeffizient $5 \cdot 10^{-5} \, (\mathrm{kp/cm^2})^{-1}$ eingesetzt.

4. Ergebnisse der Messung

Zur Verfügung stand ein Satz von 2 Meßkolben und Zylindern in den Qu schnitten 0,2, 0,1 und 0,05 cm2, mit des in der benutzten Anordnung Maximaldrüi von 1250, 2500 und 5000 kp/cm² errei werden konnten. Da sich die Form der formation am besten bei höheren Drück zeigt (siehe Abb. 2), konzentrierten sich Messungen auf die Systeme mit den kleine Querschnitten. Leider zeigten diese aber e wesentlich schlechtere Filmbildung als größeren, und bei 0,05 cm² Querschnitt was

Messungen trotz langer Bemühungen nicht mögli Es wurden daher die Messungen an einem System v 0,2 cm² Querschnitt und einem System von 0,1 c Querschnitt durchgeführt, die die beste Filmbildu zeigten. Die Abmessungen von Kolben und Zyline zeigt Abb. 5. Zunächst wurde die Spaltbreite s beim Druck $p_i = 0$ aus der Kapazität des System Kolben-Zylinder bestimmt. Sie betrug beim 0,2 cm System 2,60 μ ± 0,05 μ und beim 0,1 cm²-Ssyte $2,72 \pm 0,05 \,\mu$. Dabei sind Kolben und Zylinder

konzentrische Kreiszylinder angenommen.

Dann wurde die Abhängigkeit der Kapazität von Druck gemessen und in der Form $C(p_i)/C(0)$ graphis dargestellt. Abb. 6 und 7 zeigen die Ergebnisse für d 0,2- bzw. 0,1 cm²-System zusammen mit den aus d Gl. (2) für diese Systeme berechneten Kurven f $C(p_i)/C(0)$. Man sieht, daß bei beiden Systemen f Drücke bis etwa 1000 kp/cm² ein linearer Verlauf d Deformation mit einem kleinen quadratischen Zusat stern entlang des Spaltes herrscht, und daß oberha dieses Druckes der Kurvenverlauf in charakteristisch Weise von dem berechneten abweicht. Abb. 8 zei das Ergebnis von Messung und Rechnung für d 0,1 cm²-System, nachdem dessen Kolben wegen Ve

kratzung der Oberfläc nachgeschliffen wur und dabei etwa 4μ i Durchmesser-kleiner g worden war. Auch hi der wesentli veränderten Dimensi nen (Anfangsspaltbrei nahezu verdoppelt) d gleiche Verlauf der Me punkte in bezug a die für den lineare Spaltverlauf berechne

Eine Deutung d oberhalb 1000 kp/cr auftretenden Abwe chung von der berec neten Kurve kann f die untersuchten S nicht gegebe steme

eerden, da diese für die Untersuchung von Feinheiten wenig geeignet sind. Die Gründe dafür sind

1. Der Zylinder ist zur Aufnahme der Dichtungen ißen abgesetzt (siehe Abb. 5), so daß für die Berech-

ung der Zylinderdeforation die Größe des ußendurchmessers nicht enau festliegt. Zahlennäßig ist der Einfluß zwar ering, es ist aber zu veruten, daß die Außenbrm des Zylinders von Einuß auf die Spaltform bei ruckbeaufschlagung ist. 2. Es war schon früher estgestellt worden, daß ei starkem Anziehen der Dichtungen des Zylinders in leichtes Klemmen des Colbens auftrat. Es wurde ermutet, daß dies durch ine Deformation des uneren Endes des Zylinders lurch den Anpreßdruck

verursacht wurde. Unsere Messungen konnten dies quantitativ bestätigen. Beim System 0.2 cm^2 wurde twischen Meßreihe Nr. 2 und Meßreihe Nr. 8 eine Vertrößerung der mittleren Anfangsspaltbreite von 2.60μ

auf 2,92 μ festgestellt; d. h. durch die mehrmalige Beaufschlagung des Zylinders mit dem Innendruck von 1200 kp/cm² war infolge des plastischen Fließens des Dichtungsmaterials (Zink- und Weicheisenringe) der die Kompression des Zylinders bewirkende Anpreßdruck abgebaut worden.

Da infolge der Form der Zylinder die Verspannung im wesentlichen an ihrem unteren Ende auftritt, ist die Annahme, daß im unbelasteten Zustand das System aus Kreiszylindern besteht, nicht mehr gültig. Die Rechnung ergab, daß eine von der Par-

illelität abweichende Anfangsspaltform zu wesentlichen Abweichungen von dem unter dieser Annahme berechneten Druckverlauf der Spaltkapazität führt.

Aus Stetigkeitsbetrachtungen wird geschlossen, daß ein Ausdruck $F(z, p_i)$, in dem z in der 2. und 3. Potenz vorkommt, die tatsächlichen Verhältnisse am besten wiedergibt. Die Berechnung von $C(p_i)/C(0)$ ist hierfür prinzipiell möglich, erfordert jedoch einen hohen Aufwand in der numerischen Rechnung. Die Funktion $C(p_i)/C(0)$ wurde bereits aufgestellt, wegen der den intersuchten Systemen anhaftenden Unzulänglichkeiten wurde aber von einer numerischen Berechnung der Funktionswerte mit deren Konstaten abgesehen. Es ist aber beabsichtigt, Systeme herzustellen, die so limensioniert sind, daß ihre elastizitätstheoretischen Größen eindeutig festgelegt werden können und die bei ler Einspannung keine Veränderungen zeigen. Für diese Systeme soll die o.g. Funktion numerisch beechnet werden. Außerdem sollen die Durchmesser von Kolben und Zylinder über die gesamte Länge hin gemessen und eine evtl. Ungleichförmigkeit rechnerisch berücksichtigt werden. Es wird erwartet, daß dann

auch Aussagen über das Verhalten im Gebiet oberhalb 1000 kp/cm² gemacht werden können, so daß mit Hilfe der von Somervalle [11] angegebenen Methode der wirksame Querschnitt in Abhängigkeit vom Druck bestimmt werden kann.

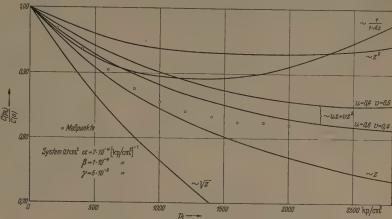
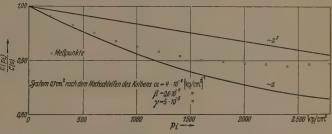


Abb. 7. Vergleich von berechneten und gemessenen Werten der Druckabhängigkeit der Spaltkapazität für das System 0,1cm².

Zusammenţassung

Es wird ein Verfahren beschrieben, bei dem durch Messung der Kapazität des von Kolben und Zylinder



Abb, 8. Vergleich von berechneten und gemessenen Werten der Druckabhängigkeit der Spaitkapazität für das System der Abb. 7, nachdem dessen Kolbendurchmesser durch Nachschleifen um 4 μ verkleinert worden ist.

eines Kolbenmanometers gebildeten Zylinderkondensators in Abhängigkeit vom Druck Einblick in die Deformationsverhältnisse dieses Systems gewonnen werden und der Einfluß des Druckes auf den wirksamen Querschnitt durch eine Korrektur erfaßt werden kann.

Literatur. [1] EBERT, H.: Z. angew. Phys. 1, 331 (1949). — [2] WAGNER, E.: Ann. Phys. (4) 15, 910 (1904). — [3] MEYERS, C. H. und R. S. JESSUP: Bur. Stand. J. Res. 6, 1061 (1931). — [4] KLEIN, G.: Diss. TH Berlin 1909. — [5] MEISSNER, W.: Z. Instrumentenkde. 30, 137 (1910). — [6] HOLBORN, L.: Ann. Phys. (4) 54, 503 (1917). — [7] MICHELS, A.: Ann. Phys. (4) 73, 577 (1924). — [8] EBERT, H.: Phys. Z. 36, 385 (1935). — [9] SCHERING, H. und R. VIEWEG: Z. angew. Chemie 39, 1119 (1926). — [10] POTTHOFF, K. und F. KESER: Z. angew. Phys. 1, 61 (1948). — [11] SOMERVAILLE, I. J.: Austral. J. appl. Sc. 6, 149 (1955).

Dipl.-Phys. Hans-Joachim Bültemann,
Dipl.-Phys. Martin Schuster,
Deutsches Amt für Maß und Gewicht,
Physikalisch-Technisches Zentralinstitut Berlin W 8.

Zur Elektronenabsorption dünner Metallaufdampfschichten im Elektronenmiskroskop

Von Ludwig Reimer

Mit 8 Textabbildungen

(Eingegangen am 9. August 1956)

Wenn ein Strahl schneller Elektronen (80 kV) eine Metallschicht durchdringt, so erfolgt eine Schwächung des Primärstrahles durch inkohärente elastische und unelastische Streuungen. Wenn die Schicht kristallin ist, so kann bei günstiger Orientierung eines Kristalliten die Intensität der unabgelenkt hindurchgehenden Strahlung noch durch Braggsche Reflexion an den Netzebenen geschwächt werden. Über die Winkelverteilung der gestreuten Elektronen ist eine Arbeit von Leisegang [1] erschienen. In der vorliegenden Arbeit soll unter Absorption nur die Schwächung des Primärstrahles in Abhängigkeit von der Schichtdicke

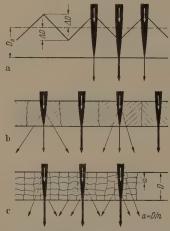


Abb. 1. Schematische Darstellung der Absorptionsverluste.

 a) Rauhe Schicht, b) glatte grobkristalline Schicht,
 c) glatte feinkristalline Schicht.

verstanden werden. Der Öffnungswinkel der untersuchten Strahlung wird durch die Objektaperturblende gegeben und beträgt mit einem Blendendurchmesser von 50 μ etwa 1°. Als ursprüngliches Ziel dieser Untersuchung sollte geprüft werden, inwieweit man die Elektronenabsorption als Meßmethode zur Schichtdickenbestimmung verwenden kann. Dies ist jedoch nur für einige Metalle möglich, bei denen die Elektronenabsorption durch ein einfaches Gesetz

$$I/I_0 = e^{-kD} \tag{1}$$

beschrieben werden kann (I= durchgelassene (ungestreute), $I_0=$ einfallende Intensität, D= Schichtdicke). Bei anderen Metallen treten Abweichungen von dieser einfachen Gesetzmäßigkeit auf, die eng mit der Struktur dieser Schichten zusammenhängen, so daß auch die Elektronenabsorption als Hilfsmittel zur Strukturuntersuchung in Ergänzung zu elektronenmikroskopischen Beobachtungen interessante Aufschlüsse geben kann.

Herstellung der Schichten und Messung der Absorption

Da für die Elektronenabsorption weniger die Schichtdicke als vielmehr die Massendichte (g/cm²) entscheidend ist, wurde die Schichtdickenbestimmung mittels Wägung durchgeführt. Da nur eine Waage

mit einer Nachweisgrenze von 0,05 mg zur Verfügstand, wurde die Dicke der Schicht auf folgende W ermittelt. In einem Abstand von 15 cm von der V dampfungsquelle befand sich ein Glasobjektträ-(20 cm²), der während der Bedampfung bei 2·1 Torr dauernd dem Atomstrahl ausgesetzt war. eigentliche Probe, eine mit Formvar befilmte Ne blende, wurde im gleichen Abstand von der V dampfungsquelle durch eine rotierende Sektorbler hindurch bedampft. Der Glasobjektträger wurde und nach der Bedampfung gewogen. Aus der Gewich zunahme wurde durch Division mit der Fläche w der Dichte und Multiplikation mit dem Bruchteil Sektorblende, der den Strahl freigab, die Schichtdie der Probe berechnet. Da der Dichtewert des kopakten Materials benutzt wurde, stellen die a gegebenen Schichtdickenwerte keine absoluten Wei dar, da bei dünnen Schichten durchaus Abweichung vom normalen Dichtewert auftreten können. I dünnen Silber- und Goldschichten, die zur Inselbildu neigen, ist die Angabe einer Schichtdicke sowieso ill sorisch. Trotzdem ist im folgenden mit der formal Schichtdicke gerechnet worden, um ein anschaulicher Maß für die niedergeschlagene Metallmenge vorlieg zu haben.

Die mit Formvar befilmte Netzblende war zu Hälfte abgedeckt. Es wurde mit einem Farada Käfig an Stelle der Plattenkassette, in einer Anornung, wie sie auch Weber und von Fragstein [2] zu Untersuchung der Elektronenabsorption von Trägsfolien benutzten, der Elektronenstrom I_0 gemesse wenn der Strahl nur die reine Formvarfolie durch Läuft, und ferner die Intensität I mit Formvarfolie und Metallschicht. Die elektronenmikroskopische Vogrößerung auf dem Endbildschirm war etwa 1000 fact Der Faraday-Käfig wurde durch Hochklappen de Leuchtschirmes freigegeben. Es wurde abwechselt I und I_0 an verschiedenen Stellen der Probe ermitte und über etwa 5 bis 10 Einzelmessungen gemittelt.

Abweichungen vom einfachen Absorptionsgesetz Gleichung (1) kann man auch in der Form schreib

$$\log I/I_0 = -k D M \quad \text{mit } M = {}_{10} \log e \ .$$

Trägt man daher den Logarithmus des gemessen Intensitätsverhältnisses I/I_0 gegen die Schichtdic auf, so ergibt sich bei Gültigkeit von Gleichung (1) ei Gerade und man kann Abweichungen von dieser Gsetzmäßigkeit daher leicht erkennen. Derartige Aweichungen können durch verschiedene Ursachhervorgerufen werden:

1. Zunächst soll angenommen werden, daß of Schichtdicke nicht überall den gleichen Wert besitz sondern um einen Mittelwert D_0 um den Betrag $\pm \Delta$ schwankt (Abb. 1a). Die durchgelassene Intensit berechnet sich in diesem Falle nach der Formel:

$$I/I_0 = \frac{\frac{D_0 + \Delta D}{D_0 - \Delta D} \int e^{-kD} \ dD}{\frac{D_0 + \Delta D}{D_0 - \Delta D} \int dD} \,. \label{eq:II0}$$

Die Auswertung dieses Integrales liefert:

$$I/I_0 = e^{-kD_0} \frac{\sinh k\Delta D}{k\Delta D} \tag{4}$$

(sinh = hyperbolische Sinusfunktion).

Da der erste Faktor in dieser Gleichung nach (1) die Frmel für eine ideal glatte Schicht liefert, kann man ich schreiben:

 $\frac{I_{ranh}}{I_{glatt}} = \frac{\sinh k \, \Delta D}{k \, \Delta D} \,. \tag{5}$

Da die Funktion sinh x/x für postive x stets ≥ 1 ist, bedeutet dies, daß die Durchlässigkeit der rauhen hicht stets größer als diejenige einer glatten Schicht

2. Wenn die Schicht zwar homogene Dicke bezt, aber aus einzelnen Kristalliten besteht, die durch de ganze Schicht hindurchgehen, so kann auch eine bweichung von dem Gesetz (1) resultieren, wenn man en Intensitätsverlust des Primärstrahles durch RAGGSche Reflexion berücksichtigt. In Abb. 1 b sind im Beispiel vier Kristallite angenommen, von denen wei gerade so orientiert ist, daß kein nennenserter Energieverlust durch BRAGGSche Reflexion aufzütt.

In zweien dagegen tritt eine intensive Braggsche eflexion auf, die man formal durch einen zusätzehen Absorptionskoeffizient k_B erfassen kann. Je achdem welche Netzebenen an der Reflexion beiligt sind, kann der Absorptionskoeffizient zwischen en Werten k_0 und $k_0 + k_B$ variieren. (Unter k_0 soll er Absorptionskoeffizient der elastischen und unastischen Streuungen ohne Braggsche Reflexion vertanden werden.) Wenn man analog zu (3) jetzt über as Werteintervall von k integriert, so erhält man eine hnliche Formel:

hnliche Formel:
$$I/I_0 = e^{-(k_0 + k_{B/2})} \frac{D \sinh k_{E/2} D}{k_{B/2}}. \tag{6}$$

Die Integration über ein Werteintervall von k_0 bis $k_0 + k_B$ stellt allerdings eine Näherung dar, da in Wirklichkeit k nur diskrete Werte annehmen wird, e nachdem wie dicht die einzelnen Netzebenen mit atomen belegt sind. Netzebenen mit hohen MILLERchen Indizes werden sehr schwache Beugungsreflexe efern, dafür treten diese wiederum zahlreicher auf als iedrig indizierte Netzebenen.

Für kleine Werte von x weicht die Funktion inh x/x, die sowohl in Gleichung (4) als auch (6) aufritt, nur wenig vom Wert 1 ab, so daß für sehr dünne chichten die Messungen sich ebenfalls durch eine lerade darstellen lassen, wenn man log I/I_0 gegen die chichtdicke aufträgt. Die Steigung dieser Geraden eträgt nach (6) — $(k_0 + k_B/2) M$. Erhebliche Abveichungen vom geradlinigen Verlauf sind dann erst ei dickeren Schichten zu erwarten. Der Gleichung (6) legt ein Schichtaufbau aus durchgehenden Kristaliten zugrunde. Dies kann dann auftreten, wenn Cristallite, die sich zu Beginn der Aufdampfung geoldet haben, weiterwachsen oder wenn bei einer kriischen Schichtdicke eine durchgehende Kristallisation ler Schicht einsetzt. Bei den hochschmelzenden Metallen beobachtet man dagegen, daß sich beim Niederschlag der Atome dauernd neue Einzelkristallite oilden, die eine Ausdehnung von 100 Å nicht überchreiten. Der Elektronenstrahl muß also hintereinnder verschieden orientierte Kristallite durchlaufen Abb. 1 c). Bei sehr vielen Kristalliten wird man dann angenähert mit einem mittleren Absorptionskoeffizienten $k_0+k_B/2$ rechnen können. Bei einer begrenzten Anzahl n von Kristalliten kann man eine mittlere Schwankung um diesen Mittelwert nach der Fehlerrechnung von $k_B/2\sqrt{n}$ ansetzen. Infolgedessen wird die Gleichung (6) in diesem Falle zu:

$$I/I_{0} = e^{-(k_{0} + k_{B/2})D} \frac{\sinh \frac{k_{B} \cdot D}{2\sqrt{n}}}{\frac{k_{B} \cdot D}{2\sqrt{n}}}.$$
 (7)

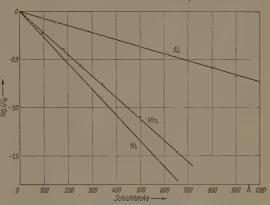


Abb. 2. Elektronenabsorption (80 kV) in Nickel-, Manganund Aluminiumschichten.

Für gleiche Schichtdicken D wird damit das Argument in sinh x/x gegenüber (6) um einen Faktor $1/\sqrt{n}$ verkleinert, was zur Folge hat, daß das Anfangsgebiet, in dem man die Werte noch durch eine Gerade annähern kann, zu größeren Schichtdicken erweitert wird und erhebliche Abweichungen vom geradlinigen Verlauf erst bei wesentlich größeren Schichtdicken zu erwarten sind.



Abb. 3. Elektronenabsorption (80 kV) in Kupferschichten.

Meßergebnisse und Diskussion

Die gemessenen Absorptionskurven log $I/I_0=\mathfrak{f}(D)$ kann man in drei Gruppen einteilen:

I. Ni, Mn und Al (Abb. 2). Die Absorptionskurve verläuft über den gesamten Schichtdickenbereich linear.

IIa. Cu (Abb. 3). Es treten bei größeren Schichtdicken wachsende Abweichungen vom linearen Verlauf auf. IIb. Ag und Au (Abb. 4). Neben den Abweichungen bei dicken Schichten treten vor allem bei Ag noch Abweichungen bei sehr dünnen Schichten auf.

III. Bi (Abb. 5) und Sb (Abb. 6). Bei einer kritischen Schichtdicke wird ein plötzlicher Knick in der Absorptionskurve beobachtet.

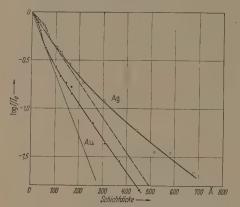


Abb. 4. Elektronenabsorption (80 kV) in Silber- und Goldschichten.



Abb. 5. Elektronenabsorption (80 kV) in Wismutschichten.

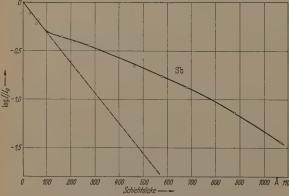


Abb. 6. Elektronenabsorption (80 kV) in Antimonschichten.

Zur Abweichung des Absorptionsverhaltens von Ag- und Au-Schichten bei sehr kleinen Schichtdicken unterhalb 100 Å soll nur bemerkt werden, daß diese Abweichungen durch die Neigung dieser Metalle zur Inselbildung zwanglos erklärt werden können. In

Abb. 7 solleine Serie von elektronenmikroskopisch Aufnahmen an den selben Silberschichten, die hier Untersuchung gelangten, diese bereits oft beobacht Inselbildung noch einmal demonstrieren. Die A nahmen der dickeren Schichten sollen zeigen, daß einer Schichtdicke von 100 Å eine fast vollständ Bedeckung der Unterlage erreicht ist und eine na trägliche Kristallisation innerhalb der Schicht sta gefunden hat. Da mit einer derartigen Kristallisati eine Aufrauhung der Schicht verbunden sein kan können die Abweichungen vom einfachen Absorptio gesetz (1) entweder durch Schichtdickenschwa kungen (4) oder durch Braggsche Reflexion (6) herv gerufen sein. Wenn man Schichtdickenschwankung von $+ \Delta D$ als alleinige Ursache für die Abweichut in Erwägung zieht, so kann man nach Gleichung aus einer graphischen Darstellung der Funktil $\sinh x/x$ den Wert $k \Delta D$ entnehmen. Der Wert I_{rz} stellt dabei den gemessenen Wert der Durchlässigke dar, während I_{glatt} aus einer Verlängerung des af fangs linearen Teils abzulesen ist. Aus der Neigu dieser Anfangsgeraden (in den Abb. 3 und 4 g strichelt eingezeichnet) kann man ferner den We von k entnehmen. Man erhält auf diese Weise für Ag Au- und Cu-Schichten bei dicken Schichten oberha 200 Å einen konstanten Wert von $\Delta D/D = 60-70^{\circ}$ unabhängig von der Schichtdicke. Eine derartig starl Oberflächenrauhigkeit müßte man aber durch eine Oberflächenabdruck erkennen. Zu diesem Zwei wurden Aufdampfschichten dieser Metalle mit Si unter einem Winkel von 30° schrägbedampft. Diese Oberflächenabdrücken ist zu entnehmen, daß d Rauhigkeit auf jeden Fall kleiner als 100 Å bei ein Schichtdicke von 1000 Å sein muß, was einem $\Delta D/$ Schichtdickenschwankunge < 10% entspricht. können also keinesfalls die großen Abweichungen e klären. Wenn man mit Braggscher Reflexion die E gebnisse zu erklären versucht, so kann man nach (den Wert von k_B ermitteln. Für die Ag-, Au- und C Schichten ergibt sich so ein Wert von $k_B = 3 k_0$ wei gehend unabhängig von der Schichtdicke. Danac ist der größte Teil der Strahlung, der aus dem Primä strahl abgelenkt wird, durch Braggsche Reflexon ve ursacht.

Daß die Größe des Verhältnisses $k_B/k_0 = 3$ ta sächlich in kristallinen Schichten auftritt, kann ma jeder photographischen Aufnahme solcher Schichte entnehmen. So wurde z. B. vom Verfasser eine a heißer Kupferunterlage (400° C) aufgedampfte Nicke schicht wegen ihrer gut ausgebildeten Einkrista lamellen näher untersucht. Es wurden Stellen d Schicht photographiert, die infolge Braggscher R flexion sehr dunkel erschienen. Nach leichter Kippur des Präparates mit dem Stereotrieb des Mikroskop kann man erreichen, daß ein solcher Kristallit d gleiche Plattenschwärzung wie die umgebenden Kr stallite zeigt. Aus einer gesondert ermittelte Schwärzungskurve des Plattenmaterials erhält me durch eine vergleichende Photometrierung der beide Platten Werte von k_B/k_0 in der Größenordnung 2 bis was also obige Größenordnung aus den Absorption messungen bestätigt. Leider lassen sich beim Ablöse dieser heiß aufgedampften Nickelschichten von d Kupferunterlage mit Chromsäure die Schichten nich frei von Rissen präparieren, so daß keine Absorption messungen möglich sind.

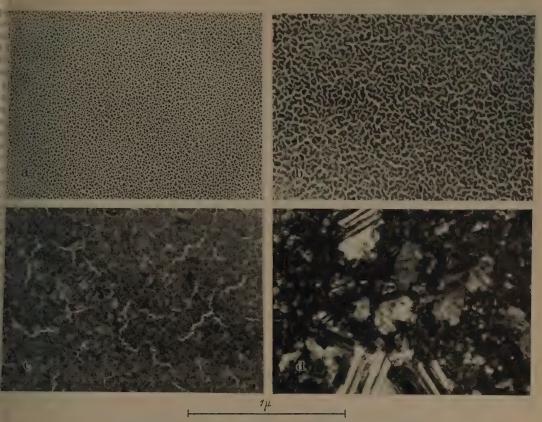


Abb. 7. Elektronenmikroskopische Struktur von Silberaufdampfschichten auf Formvarfolie.

a) Schichtdicke: 20 Å, b) 50 Å, c) 120 Å, d) 440 Å (50 000 ×).

Die auf Formvar kalt aufgedampften Nickelchichten zeigen ebenso wie die Mn- und Al-Schichten einen sehr feinkristallinen Aufbau. Man hat daher nicht eine Schicht aus durchgehenden Kristalliten Abb. 1b) vorliegen, sondern eine solche aus mehreren ibereinandergelagerten Kristalliten (Abb. 1c). Für liesen Fall war gezeigt, daß man mit einer anderen Formel (7) rechnen muß. Wenn man z. B. bei einer 600 Å-Schicht aus Nickel in Abb. 2 eine Abweichung von $\log I/I_0=0.05$ zuläßt, was noch gerade keine nerkbare Abweichung vom geraden Verlauf der Kurve pedeuten würde, so findet man ein n=9. Für die Kristallitgröße a gilt somit die Abschätzung a = D/n< 600/9 < 70 Å. Diese obere Grenze für die Kristallitgröße liegt nach elektronenmikroskopischen Beobachungen und nach Messungen der Linienverbreiterung von Elektroneninterferenzen bei allen hochschmelzenden Metallen (wie z. B. Ni und Mn) in der richtigen Größenordnung. Es ist zwar merkwürdig, daß gerade Aluminium als sehr niedrig schmelzendes Metall so einkristallinen Aufbau zeigt. Bei kaltaufgedampften Schichten (20° C) ist dies auch bereits von HASS [3] beobachtet worden. Bei heißer Unterlage wird daregen eine ähnliche Inselbildung wie bei dünnen Agand Au-Schichten beobachtet.

Die Absorptionskurven von Bi und Sb haben als gemeinsames Kennzeichen einen plötzlichen Knick bei einer kritischen Schichtdicke. Bei Antimonschichten beobachtet man bis 100 Å im Elektronenbeugungsdiagramm eine amorphe Struktur. Oberhalb Schichtdicken von 100 Å setzt eine spontane Kristallisation ein, die auch zu Oberflächenwanderungen und Schichtdickenschwankungen führt. Die Wismutschichten zeigen dagegen selbst bei den dünnsten Schichten eine kristalline Struktur. An Hand der elektronenmikroskopischen Aufnahmen verschiedener Schichtdicken (Abb. 8) erkennt man jedoch einen bemerkenswerten Unterschied zwischen der 90 Å-Schicht und der 290 Å-Schicht. Die erste ist wesentlich feinkristalliner und die einzelnen Kristallite haben eine unregelmäßige Gestalt. Die oberhalb 200 Å einsetzende Sammelkristallisation ist bei den dünnen Schichten offenbar behindert, so daß auch keine Schwankungen der Schichtdicke auftreten. Die mit der Sammelkristallisation verbundene Aufrauhung der Schichten beweist ein Oberflächenabdruck mit schrägbedampftem SiO (Abb. 8d). In Abb. 5 ist die obere gestrichelte Kurve aus der verlängerten Anfangsgeraden mit Hilfe von Gleichung (4) unter der Annahme $\varDelta D/D=90\%$ berechnet worden. Bei einer Schichtdicke von 300 Å erreichen die Meßwerte tatsächlich diese Kurve. Mit wachsender Schichtdicke macht sich dann ein kontinuierlicher Untergrund in der Schicht bemerkbar. Dies führt dazu, daß die Absorptionskurve bei noch größeren Schichtdicken wieder nach unten abbiegt. Bei diesen dickeren Schichten gewinnen dann aber auch bereits die Abweichungen durch Braggsche Reflexion an Bedeutung.

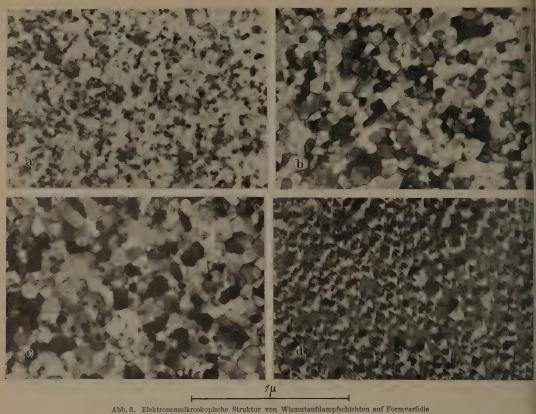


Abb. 8. Elektronenmikroskopische Struktur von Wismutaufdampfschiehten auf Formvarfolie
a) Schichtdicke: 90 Å, b) 290 Å, c) 440 Å, d) SiO-Abdruck (30° schrägbedampft) einer 500 Å dünnen Schicht (50 000 ×)

Zusammenfassung

Die Schwächung des Primärstrahles im Elektronenmikroskop durch dünne Metallschichten in Abbängigkeit von der Schichtdicke wird durch Schichtdickenschwankungen und Braggsche Reflexion beeinflußt. Schichtdickenschwankungen spielen nur bei Wismut und Antimonschichten eine Rolle. Bei Silber-, Goldund Kupferschichten, die aus durchgehenden Kristalliten bestehen, treten Abweichungen vom einfachen Absorptionsgesetz auf, die durch Braggsche Reflexion erklärt werden können. Nur bei Nickel-, Mangan- und Aluminiumschichten mit einem sehr feinkristallinen Aufbau kann man bis zu den vermessenen Schichtdicken von 1000 Å die Messungen durch ein Absorptionsgesetz der Form $I/I_0 = e^{-k D}$ beschreiben. In diesen Fällen ist es möglich, die Elektronenabsorption

als Verfahren zur Schichtdickenbestimmung anzuwenden. So kann man z. B. eine 20 Å dünne Nickelschicht noch mit einer Genauigkeit von 5% vermessen.

Die Untersuchungen wurden mit einem Siemens-Elmiskop I durchgeführt, welches der Universität Münster von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt wurde.

Herrn Prof. Dr. E. KAPPLER möchte ich für das dieser Arbeit entgegengebrachte Interesse und für wertvolle Diskussionen danken.

Literatur. [1] Leisegang, S.: Z. Physik 132, 183 (1952).—
[2] Weber, Kl. u. C. von Fragstein: Optik 11, 511 (1954).—
[3] Hass, G. u. N. W. Scott: J. de phys. et le Rad. 11, 394 (1950).

Dr. L. REIMER,

Physikalisches Institut der Universität Münster/Westf.

Zur nichtstationären Diffusion in geschichteten Medien

Von Wolfgang Wild

Mit 7 Textabbildungen

(Eingegangen am 6. August 1956)

1. Einleitung

Um die Diffusionskonstanten von Substanzen in verschiedenen Medien zu bestimmen, kann man folgendes Verfahren anwenden: Man tränkt eine dünne Cellophanfolie mit einer Lösung der zu untersuchenden Substanz, die man mit einem radioaktiven Bestandteil indiziert hat. Sodann bringt man diese Folie in Kontakt mit dem interessierenden Medium. Bei der nun eintretenden Diffusion kann man aus der radioaktiven Strahlung die Konzentration als Funktion von

t und Zeit bestimmen. Kennt man die mathemache Lösung des Diffusionsproblems, so lassen sich Diffusionskonstanten berechnen.

In der Praxis ist es einfacher, nur die zeitliche Abhme einer radioaktiven Strahlung bei der in Abb. I rgestellten Versuchsanordnung zu untersuchen. eint man außer der mathematischen Lösung des ffusionsproblems noch das Absorptionsgesetz für eradioaktive Strahlung, so läßt sich auch schon aus r hierbei gemessenen Abnahme der radioaktiven rahlungsintensität eindeutig die gesuchte Diffusionsinstante errechnen.

Das einschlägige Diffusionsproblem: lineare Diffusion in zwei aneinandergrenzenden Medien, die verhiedene Diffusionskonstanten und verschiedene Löshkeiten für die zu untersuchende Substanz haben, allerdings bei etwas anderen Randbedingungen, DEEG [1] untersucht worden. Seine Lösung ist der nur bequem anwendbar für lange Zeiten, während unserem Fall vor allem eine bei kurzen und mittleren eiten verwendbare Lösung interessiert.

2. Mathematische Formulierung des Problems

Wir nehmen sowohl die Cellophanfolie als auch das aschließende Medium als seitlich unendlich ausdehnt an.

Die Substanzkonzentration bezeichnen wir

im Cellophan mit $c_1(x, t)$

im Medium mit $c_2(x, t)$.

Die Konzentrationen genügen den Diffusionsgleiungen

$$\frac{\partial^2 c_1}{\partial x^2} = \frac{1}{D_1} \frac{\partial c_1}{\partial t} \text{ im Medium 1 (Cellophan)}$$

$$\frac{\partial^2 c_2}{\partial x^2} = \frac{1}{D_2} \frac{\partial c_2}{\partial t} \text{ im Medium 2}$$
(Untersuchungsmedium) . (1)

 D_1 und D_2 seien die konstanten, aber voneinander erschiedenen Diffusionskonstanten der beiden Medien.

Wir wählen unser Koordinatensystem so, daß die rennfläche in die Ebene x=0 fällt. Die Begreningsflächen liegen dann bei $x=-d_1$ für das Meum 1, bei $x=d_2$ für das Medium 2.

An den Rändern muß der Diffusionsstrom verhwinden. Wir haben demnach

An der Grenze muß Stetigkeit des Diffusionsromes gefordert werden:

$$D_1 \frac{\partial c_1}{\partial x} = D_2 \frac{\partial c_2}{\partial x}$$
 für $x = 0$. (3)

Die Konzentrationen müssen an der Grenze im erhältnis

$$\frac{c_1}{c_2} = L_{12} \quad \text{für} \quad x = 0$$
 (4)

ehen. L_{12} ist der Verteilungskoeffizient, nach dem ch das Gleichgewicht einstellt. Er steht in engem usammenhang mit den Löslichkeiten der beiden edien für die zu untersuchende Substanz [1].

Schließlich haben wir noch die Anfangsbedinungen zu formulieren.

3. Lösung des Problems für kurze Zeiten

a) Lösungsansatz. Es ist bekannt, daß die Fehlerfunktionen $\varPhiig(rac{a\pm x}{2\sqrt{D\,t}}ig)$ mit

$$\mathbf{\Phi}(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^y e^{-t^*} dt \tag{6}$$

Lösungen der Diffusionsgleichung mit der Konstante D sind.

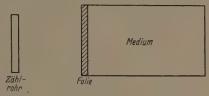


Abb. 1. Schematische Darstellung der betrachteten Anordnung.

Eine Betrachtung der Struktur der Rand- und Anfangsbedingungen legt es deshalb unmittelbar nahe, folgende Doppelreihe von Fehlerfunktionen als Lösungsansatz zu verwenden.

$$c_{1} = c_{0} \left\{ 1 + \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} a_{\mu\nu} \; \bar{\Phi} \left(\frac{2 \mu d_{1} + 2 \nu/q d_{2} + x}{2 \sqrt{D_{1}} t} \right) \right. \\ \left. + \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} b_{\mu\nu} \bar{\Phi} \left(\frac{2 \mu d_{1} + 2 \nu/q d_{2} - x}{2 \sqrt{D_{1}} t} \right) \right\},$$

$$c_{2} = c_{0} \left\{ \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} a'_{\mu\nu} \; \bar{\Phi} \left(\frac{2 \mu q d_{1} + 2 \nu d_{2} - x}{2 \sqrt{D_{2}} t} \right) \right.$$

$$\left. + \sum_{\mu, \nu=0}^{\infty} b'_{\mu\nu} \; \bar{\Phi} \left(\frac{2 \mu q d_{1} + 2 \nu d_{2} + x}{2 \sqrt{D_{2}} t} \right) \right\}.$$

$$\left. \right\}$$

$$\left. \left. \right\}$$

Hierbei ist

$$\bar{\Phi}(y) = 1 - \Phi(y) \tag{8}$$

und

$$q = \sqrt{\frac{D_2}{D_1}} \tag{9}$$

gesetzt

b) Anfangs- und Randbedingungen. Man erkennt sofort, daß unser Ansatz die Anfangsbedingungen erfüllt, da

$$\bar{\Phi}(\infty) = 1 - \Phi(\infty) = 0 \tag{10}$$

ist und das Argument der Fehlerfunktionen für $t\to 0$ gegen ∞ strebt. Damit erhält man wie gefordert

$$c_1 = c_0$$
 $c_2 = 0$ für $t = 0$.

Die Randbedingung (2) für $x = -d_1$ erfordert

$$a_{\mu+1\nu} - b_{\mu\nu} = 0. (11)$$

Entsprechend erhalten wir aus der Randbedingung (2) für $x=d_2$

$$a'_{\mu\nu+1} - b'_{\mu\nu} = 0 . (12)$$

Die Bedingung (4) für x=0 führt, da $\bar{\varPhi}(0)=1$ ist, auf die Beziehungen

$$\begin{aligned}
(1 + a_{00} + b_{00}) &= L_{12}(a'_{00} + b'_{00}) \\
(a_{\mu\nu} + b_{\mu\nu}) &= L_{12}(a'_{\mu\nu} + b'_{\mu\nu}) \\
\text{(für } \mu, \nu \text{ nicht beide gleich 0)}
\end{aligned} (13)$$

während aus (3) folgt

$$\sqrt{D_1}(a_{\mu\nu}-b_{\mu\nu})=\sqrt{D_2}(-a'_{\mu\nu}+b'_{\mu\nu}).$$
 (14)

Zeitschrift fi angewandte Ph

c) Aufstellung von Rekursionsformeln. Man sieht zunächst aus (11) und (12), daß

$$a_{0\nu} = a'_{\mu 0} = 0 \tag{15}$$

ist, da es keine $b_{\mu\nu}$ oder $b'_{\mu\nu}$ mit negativen Indizes gibt, die von 0 verschieden sind.

Damit folgt aus (13) und (14)

$$\begin{aligned} b'_{00} &= \frac{1}{q + \overline{L}_{12}}, \quad b_{00} &= \frac{-q}{q + \overline{L}_{12}} \\ (b_{\mu - 1 \nu} + b_{\mu \nu}) &= L_{12} \left(b'_{\mu \nu - 1} + b'_{\mu \nu} \right) \\ (b_{\mu - 1 \nu} - b_{\mu \nu}) &= -q \left(b'_{\mu \nu} - 1 - b'_{\mu \nu} \right) \end{aligned}$$
(16)

mit den Rekursionslösungen

$$b_{\mu\nu} = \frac{2 \ q \ L_{12} \ b'_{\mu\nu} - 1 - (q - L_{12})}{(q + L_{12})} \frac{b_{\mu - 1^{\nu}}}{b_{\mu\nu} - 1}$$

$$b'_{\mu\nu} = \frac{2 \ b_{\mu - 1^{\nu}} + (q - L_{12}) \ b'_{\mu\nu} - 1}{(q + L_{12})} \cdot$$

$$(17)$$

Alle auftretenden Größen, die negative Indizes enthalten, sind dabei =0 zu setzen.

d) Lösung der Rekursionsformeln. Die Rekursionsformeln (17) setzen uns in die Lage, unsere Lösung (7) mit beliebiger Genauigkeit darzustellen. Jedoch wäre eine explizite Angabe der Koeffizienten $b_{\mu\nu}$ und $b'_{\mu\nu}$ für die Auswertung erheblich bequemer.

Tatsächlich gelingt es sehr leicht, eine explizite Darstellung von $b_{\mu 0}$ zu erhalten. Da $b'_{\mu-1}=0$ ist, folgt nämlich

$$b_{\mu\,0} = -\frac{q - L_{12}}{q - L_{12}} b_{\mu - 10} \tag{18}$$

und unter Berücksichtigung von b_0

$$b_{\mu 0} = (-1)^{\mu+1} q \frac{(q-L_{12})^{\mu}}{(q+L_{12})^{\mu+1}}.$$
 (19)

Ganz entsprechend ergeben sich

$$b'_{\mu \, 0} = (-1)^{\mu} \cdot 2 \, q \, \frac{(q - L_{12})^{\mu \, -1}}{(q + L_{12})^{\mu \, +1}} \, (\mu = 1, \ldots) \,,$$

$$b'_{0 \, v} = \frac{(q - L_{12})^{\nu}}{(q + L_{12})^{\nu \, +1}} \quad (\nu = 0, \ldots) \,,$$

$$b_{0 \, v} = 2 \, q \, L_{12} \frac{(q - L_{12})^{\nu \, -1}}{(q - L_{12})^{\nu \, +1}} (\nu = 1, \ldots) \,.$$

Von diesen Darstellungen ausgehend, kann man ohne größere Schwierigkeiten, die nächsthöheren $b_{\mu\nu}$ und $b_{\mu\nu}$ ermitteln. Wir erhielten z. B.

$$b_{\mu\,1} = (-1)^{\mu} \cdot 2\, q\, L_{12} \frac{(q-L_{12})^{\mu}-1}{(q-L_{12})^{\mu+2}} [(2\,\mu+1)\, q-L_{12}] \\ \mu = 0, \dots \\ b_{\mu\,2} = (-1)^{\mu} \cdot 2\, q\, L_{12} \frac{(q-L_{12})^{\mu-2}}{(q+L_{12})^{\mu+3}} [(2\,\mu+1)\, q^3 \\ -\left(4\,\mu\,(\mu+1)+3\right) q^2\, L_{12} + (6\,\mu+3) \, q\, L_{12}^2 - L_{12}^3] \\ \mu = 0, \dots \end{cases}$$

und entsprechende Formeln für $b_{1\nu}$, $b_{2\nu}$, $b'_{\mu 1}$, $b'_{\mu 2}$, $b'_{\nu \nu}$, $b'_{\mu \nu}$, $b'_{\nu \nu}$, b'

Die Suche nach einer analytischen Zusammenfassung der so berechneten Spezialfälle führte uns auf die allgemeine Darstellung

$$\begin{split} b_{\mu\,0} &= (-1)^{\mu+1} \cdot q \frac{(q-L_{12})^{\mu}}{(q+L_{12})^{\mu+1}} \text{ für } \nu = 0 \;. \\ b'_{\mu\nu} &= (-1)^{\mu} \cdot 2 \, q \cdot \frac{(q-L_{12})^{\mu+\nu-2}}{(q+L_{12})^{\mu+\nu+1}} \\ &\qquad \times \Bigl\{ \sum_{\alpha} \binom{\mu-1}{\alpha} \binom{\nu}{\alpha} (-4 \, q \, L_{12})^{\alpha} \frac{(\alpha+1) \, q - (2 \, \nu + 1 - \alpha) \, L}{(\alpha+1) \, (q-L_{12})^{2 \, \alpha}} \\ &\qquad \qquad \text{für } \mu \neq 0 \;. \end{split}$$

Durch Einsetzen in (13) und (14) bestätigt minach längerer Rechnung, daß (22) bis (25) wirklich algemein gültig ist.

e) Lösung für den allgemeinen Fall. W können nunmehr unmittelbar die Lösung für den a gemeinen Fall anschreiben, indem wir (22) bis (2 in (7) einsetzen.

Diese beiden Reihen sind trotz ihres schwerfällige Aussehens bequem zu handhaben, da die Fehlerfuntionen gut tabelliert sind und mit wachsendem Argument sehr rasch gegen 0 gehen, so daß man für nich allzu lange Zeiten mit den niedrigsten Reihenglieder auskommt.

f) Spezialfälle.

 α) $d_2 = \infty$.

Dieser Fall ist bei den meisten experimentelle Untersuchungen praktisch realisiert.

Wegen $\Phi(\infty) = 0$ fallen alle Glieder weg, bei dene $\nu \neq 0$ ist.

$$\begin{split} c_1(x,t) &= c_0 \left\{ 1 - \frac{q}{q + L_{12}} \sum_{\mu = 0}^{\infty} \binom{q - L_{12}}{q + L_{12}}^{\mu} \right. \\ &\times \left. (-1)^{\mu} \left[\bar{\Phi} \binom{2(\mu + 1) \, d_1 + x}{2 \, \sqrt{D_1} \, t} \right] + \bar{\Phi} \binom{2 \, \mu \, d_1 - x}{2 \, \sqrt{D_1} \, t} \right] \right\} \\ c_2(x,t) &= c_0 \left\{ \frac{1}{q + L_{12}} \, \bar{\Phi} \binom{x}{2 \, \sqrt{D_2} \, t} \right\} + \sum_{\mu = 1}^{\infty} (-1)^{\mu} \\ &\times 2 \, q \, \frac{(q - L_{12})^{\mu - 1}}{(q + L_{12})^{\mu + 1}} \, \bar{\Phi} \binom{2 \, \mu \, q \, d_1 + x}{2 \, \sqrt{D_2} \, t} \right\} \\ \beta) \, d_1 &= \infty \, . \end{split}$$

. Dieser Fall ist von geringer praktischer Bedeutung Hier fallen alle Glieder mit $\mu \neq 0$ weg.

$$\begin{aligned} c_{1}(x,t) &= c_{0} \left\{ 1 - \frac{q}{q + L_{12}} \bar{\varPhi} \left(\frac{-x}{2 \sqrt{D_{1}} t} \right) + \sum_{\nu=1}^{\infty} 2 q L_{12} \right. \\ & \times \frac{(q - L_{12})^{\nu - 1}}{(q + L_{12})^{\nu + 1}} \bar{\varPhi} \left(\frac{2 \sqrt{q} d_{2} - x}{2 \sqrt{D_{1}} t} \right) \right\} \\ c_{2}(x,t) &= c_{0} \left\{ \frac{1}{q + L_{12}} \sum_{\nu=0}^{\infty} \left(\frac{q - L_{12}}{q + L_{12}} \right)^{\nu} \left[\bar{\varPhi} \left(\frac{2 \nu d_{2} + x}{2 \sqrt{D_{2}} t} \right) \right. \right. \\ & \left. + \bar{\varPhi} \left(\frac{2 (\nu + 1) d_{2} - x}{2 \sqrt{D_{2}} t} \right) \right] \right\}. \end{aligned}$$

4. Lösung des Problems für lange Zeiten

Eine für lange Zeiten gut konvergente Reiher entwicklung erhält man analog zu Deeg mit de üblichen Fourierschen Ansatz:

$$c_1(x,t) = c'_1(x) \exp(-\lambda_1^2 D_1 t)$$
 $c_2(x,t) = c'_2(x) \exp(-x_2^2 D_2 t)$

Für $c_1'(x)$ und $c_2'(x)$ erhält man durch Einsetze in (1) die Wellengleichungen

$$\frac{d^2c_1'}{dx^2} + \lambda_1^2 c_1' = 0$$
, $\frac{d^2c_2'}{dx^2} + \lambda_2^2 c_2' = 0$

it den Lösungen

$$c_{1}' = \alpha_{1} \cos (\lambda_{1} x) + \beta_{1} \sin (\lambda_{1} x), c_{2}' = \alpha_{2} \cos (\lambda_{2} x) + \beta_{2} \sin (\lambda_{2} x).$$

$$(30)$$

Die Randbedingungen an der Grenzfläche erforrn

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{\overline{D_2}}{\overline{D_1}}} \lambda_2, \quad \alpha_1 = L_{12} \alpha_2, \quad \beta_1 = \sqrt{\frac{\overline{D_2}}{\overline{D_1}}} \beta_2.$$
 (31)

Die Randbedingungen an der äußeren Begrenzung zwingen:

$$\begin{cases} \beta_1 \cdot \cos\left(\lambda_1 d_1\right) + \alpha_1 \sin\left(\lambda_1 d_1\right) = 0, \\ \beta_1 \cdot \sqrt{\frac{D_1}{D_2}} \cos\left(\lambda_1 \sqrt{\frac{D_1}{D_2}} d_2\right) \\ -\alpha_1 \frac{1}{L_{12}} \sin\left(\lambda_1 \sqrt{\frac{D_1}{D_2}} d_2\right) = 0. \end{cases}$$

$$(32)$$

Diese homogenen Gleichungen sind nur lösbar, enn die Determinante verschwindet, was auf die ranszendente Gleichung führt

$$L_{12}\sqrt{\frac{\overline{D_1}}{\overline{D_2}}}\operatorname{tg}(\lambda_1 d_1) = -\operatorname{tg}\left(\lambda_1\sqrt{\frac{\overline{D_1}}{\overline{D_2}}}d_2\right).$$
 (33)

Die Wurzeln dieser Gleichung liefern die Eigenverte λ_1^s und über (31) auch λ_2^s .

Aus (30) erhalten wir

$$egin{aligned} \dot{\chi}(x) &= \sum_{s} L_{12} \, \gamma_s \left(\cos \left(\lambda_1^s \, x
ight) - \operatorname{tg} \left(\lambda_1^s \, d_1
ight) \sin \left(\lambda_1^s \, x
ight)
ight) \ &= \sum_{s} \psi_1^s(x) \ &= \sum_{s} \gamma_s \left(\cos \left(\lambda_2^s \, x
ight) + \operatorname{tg} \left(\lambda_2^s \, d_2
ight) \sin \left(\lambda_2^s \, x
ight)
ight) \ &= \sum_{s} \psi_2^s(x) \;. \end{aligned}
ight\} \end{aligned}$$

Wir müssen nun noch die γ_s so bestimmen, daß die infangsbedingung erfüllt ist. Dazu bedenken wir, aß

$$D_{1} \int_{-d_{1}}^{s} \left\{ \psi_{1}^{s} \frac{d^{2} \psi_{1}^{r}}{dx^{2}} - \psi_{1}^{r} \frac{d^{2} \psi_{1}^{s}}{dx^{2}} \right\} dx$$

$$+ L_{12} D_{2} \int_{0}^{d_{1}} \left\{ \psi_{2}^{s} \frac{d^{2} \psi_{2}^{r}}{dx^{2}} - \psi_{2}^{r} \frac{d^{2} \psi_{2}^{s}}{dx^{2}} \right\} dx$$

$$= D_{1} \left\{ \psi_{1}^{s} \frac{d \psi_{1}^{r}}{dx} - \psi_{1}^{r} \frac{d \psi_{1}^{s}}{dx} \right\}_{x=0}$$

$$- D_{1} \left\{ \psi_{1}^{s} \frac{d \psi_{1}^{r}}{dx} - \psi_{1}^{r} \frac{d \psi_{1}^{s}}{dx} \right\}_{x=-d_{1}}$$

$$+ L_{12} D_{2} \left\{ \psi_{2}^{s} \frac{d \psi_{2}^{r}}{dx} - \psi_{2}^{r} \frac{d \psi_{2}^{s}}{dx} \right\}_{x=d_{1}}$$

$$- D_{2} \cdot L_{12} \left\{ \psi_{2}^{s} \frac{d \psi_{2}^{r}}{dx} - \psi_{2}^{r} \frac{d \psi_{2}^{s}}{dx} \right\}_{x=0} = 0$$

$$(35)$$

st, wegen der Randbedingung (2) bis (4).

Unter Verwendung der Wellengleichungen (29) önnen wir statt (35) schreiben

$$D_{1} \left[\lambda_{1}^{s2} - \lambda_{1}^{r2} \right] \int_{0}^{a} \psi_{1}^{s} \psi_{1}^{r} dx$$

$$- d_{1}$$

$$+ L_{12} D_{2} \left[\lambda_{2}^{s2} - \lambda_{1}^{r2} \right] \int_{0}^{d_{1}} \psi_{2}^{s} \psi_{2}^{r} dx = 0$$

$$(36)$$

der, da nach (31)

$$D_1 \left[\lambda_1^{s2} - - \lambda_1^{r2} \right] = D_2 \left[\lambda_2^{s2} - - \lambda_2^{r2} \right]$$

ist,

$$\int\limits_{-d_1}^0 \psi_1^s \, \psi_1^r \, dx + L_{12} \int\limits_0^{d_2} \psi_2^s \, \psi_2^r \, dx = 0 \; ext{für} \; r \ne s \, . \quad (37)$$

Benutzen wir die Orthogonalitätsrelation (37), so erhalten wir wegen der Anfangsbedingung (5) für die γ_s

$$\gamma_{s} = c_{0} \frac{\int_{d_{1}} (\cos(\lambda_{1}^{s} x) - \int_{d_{1}} ($$

Dies ergibt explizit

$$\gamma_s = c_0 \frac{\operatorname{tg} (\lambda_1^s d_1)}{\lambda_2^s + N} \tag{39}$$

mit

$$\begin{split} N &= \frac{L_{12}}{2} \Big[d_1 \left(1 + \mathfrak{t} g^2 \left(\lambda_1^s \, d_1 \right) \right) + \frac{\sin \lambda_1^s \, d_1}{\lambda_1^s} \\ & \times \left(\cos \left(\lambda_1^s d_1 \right) \cdot \left(1 - \mathfrak{t} g^2 (\lambda_1^s d_1) \right) + \mathfrak{t} g \left(\lambda_1^s d_1 \right) \sin \left(\lambda_1^s d_1 \right) \right) \Big] \\ & + \frac{1}{2} \Big[d_2 \left(1 + \mathfrak{t} g^2 \left(\lambda_2^s \, d_2 \right) \right) + \frac{\sin \lambda_2^s \, d_2}{\lambda_2^s} \\ & \times \left(\cos \left(\lambda_2^s \, d_2 \right) \left(1 - \mathfrak{t} g^2 (\lambda_2^s d_2) \right) + \mathfrak{t} g \left(\lambda_2^s \, d_2 \right) \sin \left(\lambda_2^s \, d_2 \right) \right) \Big]. \end{split}$$

Gehen wir mit (34), (39) und (40) in (28) ein, so erhalten wir eine Lösung, die sich für hinreichend lange Zeiten durch wenige Summenglieder sehr genau darstellen läßt und für $t \to \infty$ gegen

$$\begin{array}{l} c_1(x,\,\infty) = \frac{c_0\,d_1\,L_{12}}{L_{12}\,d_1\,+\,d_2} \\ c_2(x,\,\infty) = \frac{c_0\,d_1}{L_{12}\,d_1\,+\,d_2} \end{array} \right\} \eqno(41)$$

strebt.

5. Resultate

Zur Auswertung der Formeln (26) und (27) ist es zweckmäßig, folgende Größen einzuführen:

$$\begin{aligned} &q' = q/L_{12} \,, \quad D_1' = D_1 \cdot L_{12}^2 \quad D_2' = D_2 \,, \\ &c_1' = c_1/L_{12} \,, \quad c_2' = c_2 \,, \qquad c_0' = c_0/L_{12} \,, \\ &d_1' = d_1 \cdot L_{12} \,, d_2' = d_2 \,, \qquad d_2'/d_1' = \beta \,. \end{aligned} \right\} (50) \\ &x' = \frac{x}{d_1} = \frac{x \cdot L_{12}}{d_1'} \quad \text{für } x < 0 \,, \\ &= \frac{x}{d_1 \cdot L_{12}} = \frac{x}{d_1'} \quad \text{für } x > 0 \,, \end{aligned}$$

Dann erhält z. B. (26) in den gestrichenen Größen die Form:

$$\begin{split} c_1' &= c_0' \left\{ 1 + \sum_{\mu=0}^{\infty} (-1)^{\mu+1} \frac{q'}{q'+1} \binom{q'-1}{q'+1}^{\mu} \right. \\ &\times \left[\bar{\varPhi} \left(\frac{2\,\mu-x'}{2\,T'} \right) + \bar{\varPhi} \left(\frac{2\,(\mu+1)+x'}{2\,T'} \right) \right]. \\ c_2' &= c_0' \left\{ \frac{1}{q+1} \bar{\varPhi} \left(\frac{x'}{2\,q'\,T'} \right) + \sum_{\mu=1}^{\infty} (-1)^{\mu} \right. \\ &\times \left. \frac{2\,q'}{(q'+1)^2} \binom{q'-1}{q+1}^{\mu-1} \bar{\varPhi} \left(\frac{2\,\mu q'+x'}{2\,q'\,T''} \right) \right\}. \end{split}$$

Zeit und Längen werden in dimensionslosen Größen gemessen. Man erkennt nach dieser Umschreibung insbesonders, daß L_{12} keine die Struktur der Lösung bestimmende Größe ist, sondern bloß in die Umrechnung der fiktiven gestrichenen Größen auf die physikalischen ungestrichenen eingeht. Unsere Lösung hängt

wesentlich von den zwei Parametern β und q' ab, während alle anderen Konstanten in die Skalendefinitionen aufgenommen werden können.

In den Abb. 2 bis 7 geben wir einige Beispiele für die berechnete Konzentration als Funktion von Ort und Zeit für verschiedene Parameterwerte von β und q'. Wichtig für die Bestimmung der Diffusionskonstanten ist Abb. 5, in der bei unendlich ausgedehntem Medium 2 für einen bestimmten Ort und eine bestimmte Žeit die Konzentration als Funktion von q' aufgetragen ist. Man erkennt ein deutlich ausgeprägtes Maximum. Für sehr kleine D_2 ist zu der gewählten Zeit am gewählten Ort noch kaum hereindiffundierende Substanz angelangt, für sehr große D_2 dagegen geht die Diffusion

so rasch vonstatten, daß die Konzentration keir hohen Werte erreichen kann. Die Messung der Konzentration an mindestens zwei Orten zu einer bestimmten Zeit kann damit zur eindeutigen Ermitte lung von q' verwendet werden. In gewissen Bereiche von q' ist das Verfahren sehr empfindlich.

Auf eine Angabe der Werte für die Zählrate habe wir verzichet, da durch μ_1 und μ_2 zwei neue Paramete hereinkommen und das ermittelte Ergebnis eines Spe zialfalles von keinerlei allgemeinen Nutzen ist. Selbsi verständlich ist N eine monoton abfallende Funktiot von t, die bei endlichem Medium und sehr lange Lebensdauer der radioaktiven Ionen in einen endlichen Sättigungswert mündet.

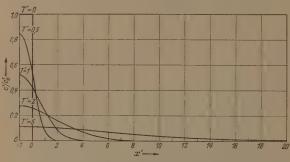


Abb. 2. Die "Konzentration" c' als Funktion des Ortes für verschiedene Zeiten. Parameter: $\beta=\infty$; g'=1. Aus den Kurven läßt sich insbesondere sofort der Fall gleicher Medien ($L_{13}=1$) ablesen.

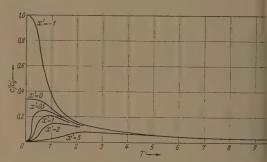


Abb. 5. Die "Konzentration" c' als Funktion der Zeit T' für verschieder Orte x'. Parameter wie in Abb. 2: $\beta = \infty$; q' = 2.

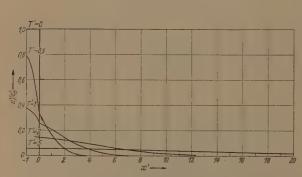


Abb. 3. Die "Konzentration" c' als Funktion des Ortes x' für verschiedene Zeiten T'. Parameter: $\beta=\infty;\ q'=2.$

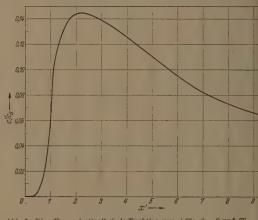


Abb. 6. Die "Konzentration" c'als Funktion von q' für x'=2 und T'=Parameter: $\beta=\infty$.

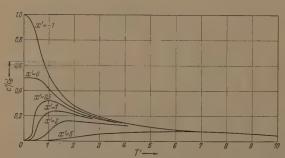


Abb. 4. Die "Konzentration" c' als Funktion der Zeit T' für verschiedene Orte c'. Parameter wie in Abb. 1: $\beta=\infty;\ q'=1,$

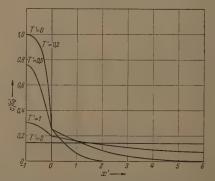


Abb. 7. Die "Konzentration" c' als Funktion des Ortes x' für verschiedene Zeiten T'. Parameter: $\beta=6$; q'=3. Dies ist ein Beispiel für einen ganz allgemeinen Fall.

Zusammenfassung

Das Problem der nichtstationären linearen Diffun in zwei begrenzten geschichteten Medien verniedener Diffusionskonstante wurde unter der Beigung verschwindenden Diffusionsstromes an den Benrändern für lange und kurze Zeiten gelöst. Eine ethode zur Bestimmung der Diffusionskonstanten ttels Messung der radioaktiven Strahlung einer dikatorsubstanz wurde diskutiert.

Herrn Prof. Dr. H. MAIER-LEIBNITZ und Herrn Dr. W. BALDUS möchte ich herzlich dafür danken, daß sie mich auf dieses im Zusammenhang mit einer Diplomarbeit von Herrn W. MERL aufgetretene Problem aufmerksam gemacht und durch anregende Diskussionen unterstützt haben.

Literatur. · [1] DEEG, E.: Z. angew. Phys. 5, 372 (1953). Dr. Wolfgang Wild, Laboratorium für Technische Physik der Technischen Hochschule München.

Berichte

Die Kleinwinkelstreuung der Röntgenstrahlen und ihre Anwendung zur Teilchengrößebestimmung

Von Volkmar Gerold

Mit 14 Textabbildungen

(Eingegangen am 30. Juli 1956)

Die Methode der Kleinwinkelstreuung hat in viele ebiete Eingang gefunden, wo es sich um die Bestimung von Teilchengrößen und Teilchenformen submicoskopisch kleiner Partikel handelt, die auch mit dem

lektronenmikroskop kaum zu beobachn sind. Die Teilchendurchmesser liegen abei in der Größenordnung von 10⁻⁷ is 10^{-5} cm (10 bis 1000 Å). Mit Erfolg nd hier Makromoleküle, Hochpolymere owie Festkörper in kolloidaler Verteilung ntersucht worden. Es lassen sich jedoch icht nur Teilchen im eigentlichen Sinne eobachten, sondern ebenso Inhomogeitäten in festen Stoffen, wie sie beipielsweise bei Metallen unter starker erformung oder bei Mischkristallen inolge der Entmischung der beteiligten tomsorten auftreten. Der vorliegende ericht gibt einen Überblick über die ntstehung der Kleinwinkelstreuung, die löglichkeiten der Deutung der experientell gefundenen Intensitätsverteiingen, sowie über die Grenzen der ussagen, die sich hier machen lassen.

I. Die Entstehung der Kleinwinkelstreuung

Wir gehen aus von der Streuung eines natomaren Gases, dessen Anzahl an tomen M betragen möge. Sie werden on einem parallelen Röntgenstrahl-ündel der Intensität I_0 und der Vellenlänge λ bestrahlt. Dabei entsteht ne Streustrahlung, die proportional der

ahl der bestrahlten Atome M, der Primärintentät I_0 und dem Streuvermögen f^2 eines Atomes ist:

$$I(h) = \alpha I_0 M f^2(h).$$

lierbei ist h das bei Untersuchungen von Beugungsscheinungen übliche Winkelmaß, definiert durch die leichung

$$h = \frac{s - s_0}{\lambda}$$
; $|h| = h = \frac{2 \sin \theta}{\lambda}$

obei s_0 und s die Richtungsvektoren der Einstrahlzw. Beobachtungsrichtung sind und $\vartheta=\varepsilon/2$ als

Braggscher Winkel (= halber Beugungswinkel ε) bezeichnet wird. Der Vektor h wird wegen seiner Dimension cm⁻¹ oder Å⁻¹ "reziproker Gittervektor" genannt. Bei vielen Problemen wie auch beim vor-

> liegenden besteht keine Richtungsabhängigkeit der Intensitätsverteilung, sie ist dann eine Funktion des Betrages von h.

> α ist ein Zahlenfaktor, der das Streuvermögen eines Elektrons angibt. Sein Wert ist nur von Interesse, wenn Absolutmessungen der Intensität durchgeführt werden sollen. $f^2(h)$ gibt die Streuintensität eines Atoms, bezogen auf dasjenige eines Elektrons, an. Sie ist winkelabhängig, da der Atomdurchmesser größenordnungsmäßig gleich der Wellenlänge A des Röntgenstrahles ist. In allen folgenden Formeln ist

> Nun lassen wir die M Atome unseres Gases zu N Molekülen oder Teilchen von je n Atomen

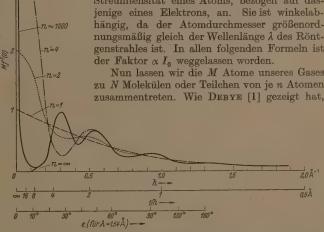


Abb. 1. Änderung der Streuintensität I(h) eines mehratomigen Gases mit der Atomzahl pro Moleküi (schematisch). Zahl der Atome pro Molekül, M = Nn = Gesamtzahl der Atome.

erhält man dann eine Intensitätsverteilung

$$I(h) = N f^2 \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\sin 2\pi r_{jk} h}{2\pi r_{jk} h}$$

$$= N f^2 \left[n + \sum_{j \neq k} \sum_{k=1}^n \frac{\sin 2\pi r_{jk} h}{2\pi r_{jk} h} \right].$$

 r_{jk} ist dabei der Abstand zwischen dem Atom j und dem Atom k in einem Teilchen. Die Funktion $\frac{\sin 2 \pi r h}{2 \pi r h}$ hat für rh = 0 ihren maximalen Wert 1 und oszilliert dann mit abnehmender Amplitude um den Wert Null.

In Abb. 1 ist die Entwicklung der Streukurve mit wachsender Atomzahl pro Teilchen schematisch dargestellt, wobei jeweils die Gesamtzahl M der bestrahlten Atome (also die bestrahlte Gesamtmasse) konstant gehalten ist. Man sieht deutlich, wie sich mit zunehmendem Molekulargewicht der Teilchen eine intensive Kleinwinkelstreuung herausbildet, die um so intensiver wird und auf immer kleinere Winkelbereiche beschränkt bleibt, je größer das Molekül wird. Diese Kleinwinkelstreuung setzt sich schließlich scharf ab von der Streuung bei großen Winkeln, und wir können dann deutlich zwei Bereiche unterscheiden:

1. Der Kleinwinkelbereich

Die Intensität wird durch die Anzahl der Atome in einem Teilchen bestimmt. Die Maximalintensität liegt beim Winkel Null und ist proportional dem Quadrat der Anzahl der Elektronen im Teilchen. Der weitere Verlauf wird durch die Größe und Form der Partikel bestimmt, die Intensität nimmt mit wachsendem

Winkel um so rascher ab, je größer sie ist.

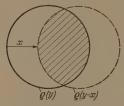


Abb. 2. Das Faltungsquadrat einer Kugel.

2. Der Weitwinkelbereich

Hier spielt die Atomanordnung innerhalb der Teilchen die wesentliche Rolle. Die Intensität ist weitgehend unabhängig von der Teilchengröße. Die Intensitätsmaxima hervorgerufen

diskreten Atomabstände r_{ik} im Molekül.

In Abb. 1 wurde angenommen, daß nur die kleinen r_{ik} -Werte diskret sind, während die großen kontinuierlich vorkommen (Moleküle mit Flüssigkeitsstruktur). Es ändert sich dann beim weiteren Wachstum der Moleküle in diesem Bereich die Streukurve nicht mehr wesentlich. Ein anderes Verhalten liegt vor, wenn die Moleküle kristallin sind, d. h. auch die großen r_{ik} -Werte eine diskrete Verteilung besitzen. Dann werden mit zunehmender Größe der Moleküle die Maxima der Streukurve immer schärfer und intensiver, ähnlich wie das Maximum im Kleinwinkelbereich, und geben schließlich das bekannte Bild eines Debye-Scherrer-Diagramms von einem Kristallpulver.

Im Grenzfall der amorphen Festkörper und der Flüssigkeiten ist das gesamte Präparat ein Riesenteilchen, die Kleinwinkelstreuung ist auf extrem kleine Winkel beschränkt, die praktisch noch innerhalb des immer etwas divergenten Primärstrahles liegen und nicht mehr zu beobachten sind. Im anschließenden Winkelbereich haben wir die Intensität Null und erst im Weitwinkelbereich steigt die Intensität an und zeigt dann den bekannten Verlauf.

II. Die Theorie der Partikelstreuung

Wie bekannt ist, erhält man aus einer gegebenen Elektronendichteverteilung durch Fourier-Transformation die Streuamplitude F(h) des Systems, die sich einmal als Fourier-Summe darstellen läßt (wenn die Verteilung diskreter Massenpunkte an den Orten 🗙 mit den Streuamplituden f, gegeben ist), oder aber bei kontinuierlicher Dichteverteilung $\varrho(\mathbf{x})$ als Fourier-Integral. Durch Multiplikation mit der konjugiert komplexen Größe F*(h) bekommt man daraus die

Intensitätsverteilung I(h). Es gelten also die Gl chungen

$$\begin{split} J(\mathbf{h}) &= F(h) \, F^*(h) = \sum_j \sum_k f_j \, f_k \, e^{-2 \, \pi i \, (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_k) \, \mathbf{h}} \\ \text{bzw.} &\quad \iint_V \varrho(\mathbf{x_1}) \, \varrho(\mathbf{x_2}) \, e^{-2 \, \pi \, i \, (\mathbf{x_2} - \mathbf{x_3}) \, \mathbf{h}} \, dv_{x_1} \, dv_{x_2} \, . \end{split}$$

Das Doppelintegral läßt sich noch etwas umformen $\iint_{\mathbb{T}} \varrho(\mathbf{y}) \; \varrho \; (\mathbf{y} - \mathbf{x}) \; e^{-2 \, \pi \, i \, \mathbf{x} \, \mathbf{h}} \; dv_y \, dv_x \, .$

$$\iint\limits_{\mathbb{T}}\varrho(\mathbf{y})\,\varrho\,\left(\mathbf{y}-\!-\!\mathbf{x}\right)\,e^{-2\,\pi\,i\,\mathbf{x}\,\mathbf{h}}\,dv_y\,dv_x\,.$$

Daraus erhält man schließlich unter Einführung d sogenannten Faltungsquadrates der Dichteverteilur

$$\varrho(\overset{\text{2}}{\mathsf{x}}) = \int\limits_{V} \varrho(\mathsf{y}) \,\varrho\;(\mathsf{y} - \mathsf{x}) \,dv_y \equiv Q(\mathsf{x})$$

die Intensitätsformel

$$J(\mathbf{h}) = \int\limits_{V} Q(\mathbf{x}) \; e^{-2 \, \pi i \mathbf{x} \; \mathbf{h}} \; dv_x$$
 .

Der Begriff des Faltungsquadrates ist erstmals vo HOSEMANN und BAGCHI [2] bei der Behandlung von Strukturanalysen eingeführt worden. Später hat ih Hosemann [3] auch zur Deutung von Kleinwinkelau nahmen benutzt. In Abb. 2 wird die Entstehung de Faltungsquadrates einer Kugel vom Radius R gezeigt die in ihrem Innern die konstante Elektronendichte besitzen möge. Will man für einen bestimmten Vektor das Faltungsquadrat berechnen, so muß man nac Gl. (1) zunächst die Dichteverteilung $\rho(y)$ zeichnen (i Abb. 2 die ausgezogene Kugel). Dann zeichnet ma die gleiche Dichteverteilung, aber um den Vektor; verschoben, darüber (die gestrichelte Kugel) und mu tipliziert beide Dichteverteilungen miteinander. Da ergibt in dem schraffierten Gebiet den Faktor o außerhalb den Wert Null. Bei der anschließenden In tegration über den Raum kommt als zweiter Fakto noch das Volumen des schraffierten Gebietes hinzu Dies läßt sich aber leicht berechnen, da das schraffiert Gebiet aus zwei Kugelsegmenten besteht. Insgesam erhält man so

$$Q(x) = \varrho_0^2 \frac{4 \pi R^3}{3} \left[1 - \frac{3}{4} \frac{x}{R} + \frac{1}{16} \frac{x^3}{R^3} \right] \text{ für } 0 < x < 2R$$

Bei der Anwendung der Theorie sind zwei Größer von Wichtigkeit. Einmal ist es der Wert des Faltungs quadrates für x = 0:

$$Q(0)=arrho_0^2 \ V \quad ext{oder allgemeiner} \quad =arrho^{ar{z}} \ V \ ,$$

wobei ρ² der Mittelwert des Quadrates der Elektronen dichteverteilung im Volumen V ist. Zum anderen is es das Volumenintegral des Faltungsquadrates

 $\int Q({\sf x}) \ dv_x = arrho_0^2 \ V^2 \quad {
m oder \ allgemeiner} \quad = \overline{arrho}^2 \ V^2 \ , \quad (4$ wobei $\bar{\rho}^2$ das Quadrat des Mittelwertes der Elektronen dichteverteilung bedeutet.

In Abb. 3 wird die Entstehung des Faltungsqua drates für ein verdünntes System von N Teilchen (Elek tronendichte ϱ_0 , Volumen v) gezeigt, die in einem Ge samtvolumen V mit der Volumenkonzentration w ver teilt sein mögen. Wir erhalten dann das in Abb. 4b dar gestellte Faltungsquadrat der Dichteverteilung. Be kleinen Abständen x haben wir im wesentlichen di N Faltungen $q(\mathbf{x})$ jedes der N Teilchen mit sich selbst wobei wegen der regellosen Orientierung ein richtungs unabhängiger Mittelwert $N \bar{q}(x)$ entsteht. Für großx-Werte sind dagegen nur die Faltungen zwischen ver schiedenen Teilchen im Spiel, und bei regelloser Ver teilung liefert die Q-Funktion dann einen Wert, de der gleiche ist, als wenn im Gesamtvolumen eine kon inte Dichte $\rho_v = \overline{\rho} = w \, \rho_0$ herrschen würde. Man mmt so zu einer Aufteilung der Q-Funktion (s. 40b. 4) in

1. einen Anteil $Q_{\nu}(x)$

$$Q_V(x) = arrho_V^2 \ V = w^2 \, arrho_0^2 \ V \quad ext{für} \quad x \ll 2 \ R_V$$

 $2 R_{v} = Durchmesser des$ Gesamtvolumens V.

ine FOURIER-Transformation liefert e Volumenstreuung I_{ν} . Sie stellt die leinwinkelstreuung des Gesamtvoluens V (Elektronendichte $\varrho_V = w \varrho_0$) ar. Wir hatten sie eingangs nicht wähnt, weil sie bei Röntgenunterichungen mit normalen Präparaten $R_V \approx 1$ mm) bei unmeßbar kleinen Vinkeln liegt, also nicht beobachtet erden kann¹.

2. einen Anteil $Q_T(x)$.

Seine FOURIER-Transformation liert die Kleinwinkelstreuung I_r . Der $^{\prime}$ erlauf von Q_T wird durch zwei Dinge

a) Durch die N Faltungsquadrate (x) jedes der Teilchen mit sich selbst.

b) Durch die Faltungsquadrate jedes der Teilchen = 10 oit seinen näheren Nachbarn. Hier spielt die Anordung, d. h. die Abstandsstatistik der Teilehen eine vesentliche Rolle.

In hinreichend verdünnten Systemen² gilt mit guter Näherung die Beziehung

$$\begin{array}{l} Q_T(x) = (1-w) \ N \ \overline{q}(x) \\ = w \ (1-w) \ \varrho_0^2 \ V \ H(x) \end{array} \tag{5}$$

vobei H(x) die dem Teilchen zugehörige Wahrscheinichkeitsfunktion³ ist (für die immer H(0) = 1 gilt).

3. einen Anteil $Q_A(x)$.

Er entsteht dadurch, daß die Elektronendichte ϱ_0 m Teilchen in Wirklichkeit keine Konstante sondern ur einen Mittelwert darstellt. Es kommt hier also der tomare Aufbau des Teilchens zum Vorschein. Die ${}^{\circ}$ OURIER-Transformation von Q_A liefert die Weitwinelstreuung I_A . Eine Trennung zwischen Q_T und Q_A und damit zwischen Kleinwinkel- und Weitwinkeltreuung) ist nur dann möglich, wenn der Teilchenlurchmesser wesentlich größer ist als der Atomdurch-

 1 Bei lichtoptischen Analogieversuchen jedoch, wie sie eispielsweise Hosemann und Mitarbeiter [4] durchführten, m den Einfluß der Abstandsstatistik auf die Beugungsscheinungen zu untersuchen, trifft dies nicht mehr zu. Die olumenstreuung macht hier die Beobachtung von I_T bei leinen Winkeln unmöglich.

 2 Über die Grenze zwischen verdünnten und dichten ystemen wird in Abschnitt IV berichtet. 3 Der Zusammenhang zwischen den Größen $N\,\overline{q}(x)$ und

I(x) ist gegeben durch

 $N \overline{q}(x) = N \overline{q}(0) H(x) = N v \varrho_0^2 H(x) = w V \varrho_0^2 H(x)$

I(x) ist dann die über das Teilchenvolumen v und über alle Richtungen gemittelte Wahrscheinlichkeit, in einem Abstand xon einem mit Teilchenmasse belegten Volumenelement dv_1 riederum ein mit Masse des gleichen Teilchens belegtes Volumenelement dv_2 zu finden. In der Literatur wird vielfach $Q_2^{\bar{c}} m^{\bar{c}} V$ nit diesen Wahrscheinlichkeiten statt mit dem Faltungs-

usdrat gerechnet.

4 Diese Bedingung ist nicht so scharf wie die für das Verältnis von R_V zu R_T . Ein Verhältnis R_T : $R_A = 10$ ist schon usreichend, um eine gute Trennung zwischen I_T und I_A herozurufen. Hingegen benötigt man Verhältnisse R_V : $R_T \approx 10^3$, m die Störung der Volumenstreuung zu beseitigen.

Sind die zu untersuchenden Teilchen (die nun eine Elektronendichte ϱ_1 besitzen mögen) in einem Lösungsmittel der Elektronendichte Q2 eingebettet, so ändern sich unsere Gleichungen in der Weise, daß ϱ_0 dann die Bedeutung $\varrho_0=\varrho_1-\varrho_2$ hat. Außerdem

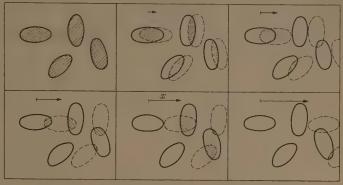
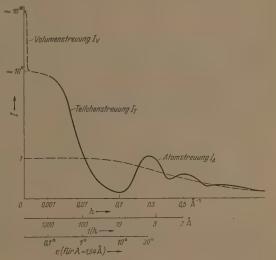


Abb. 3. Das Faltungsquadrat eines Systems vieler Teilchen für verschiedene Abstände x. Es sind nur die Faltungen der 4 Teilchen untereinander dargestellt. Die in einem ausgedehnten Präparat bei größeren Abständen x von links neu hinzukommenden Belträge zu $\varrho\left(y-x\right)$ sind nicht gezeichnet.



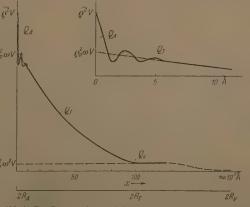


Abb. 4. Der Zusammenhang zwischen Faltungsquadrat und Streuung am Beispiel eines verdünnten Systems von Telichen mit einem Telichendurch messer von $2\,R=100\,A$. a) Schematischer Verlauf der Streuung. Absächen und Ordinatenmaßstab sind stark verzerrt; b) Verlauf des Faltungsquadrates.

erhöht sich noch der Betrag von Q_V (und damit die Volumenstreuung) um einen bestimmten Wert, der jedoch nicht von praktischem Interesse ist.

III. Die Bestimmung von Teilchengröße und Form in monodispersen verdünnten Systemen

In verdünnten Systemen¹ ist wegen der Regellosigkeit der Anordnung und Orientierung der Teilchen sowohl die Q-Funktion als auch die Intensitätsverteilung (auf den Index T verzichten wir hinfort) der Kleinwinkelstreuung richtungsunabhängig. Die FOURIER-Transformation

$$I(h) = \int Q(y) e^{-2 \pi i h \times dv_x}$$

und ihre Umkehrung gehen dann über in

$$\begin{split} I(h) &= \int\limits_{0}^{\infty} Q(x) \, \frac{\sin 2 \, \pi \, h \, x}{2 \, \pi \, h \, x} \, 4 \, \pi \, x^2 \, dx \\ Q(x) &= \int\limits_{0}^{\infty} I(h) \, \frac{\sin 2 \, \pi \, h \, x}{2 \, \pi \, h \, x} \, 4 \, \pi \, h^2 \, dh \end{split} \right\}$$

oder in anderer Schreibweise

$$h I(h) = 2 \int_{0}^{\infty} x Q(x) \sin 2 \pi h x dx x Q(x) = 2 \int_{0}^{\infty} h I(h) \sin 2 \pi h x dh.$$
 (7)

Setzen wir in der ersten Gl. (6) h = 0 und in der zweiten x = 0, so erhalten wir zwei fundamentale Beziehungen, nämlich

1. Die zum Winkel Null extrapolierte Intensität : der Kleinwinkelstreuung (s. Gl. (5))

$$I(0) = \int Q(x) \, 4 \, \pi \, x^2 \, dx = w \, (1 - w) \, \varrho_0^2 \, V \int H(x) \\ \times 4 \, \pi \, x^2 \, dx = w \, (1 - w) \, \varrho_0^2 \, V \, v \,,$$
 (8)

wobei v wiederum das Teilchenvolumen darstellt.

2. Die Integralintensität der Kleinwinkelstreuung

$$\begin{array}{l} 4 \, \pi \int h^2 \, I(h) \, dh = Q(0) \\ = w \, (1 - w) \, \varrho_0^2 \, V. \end{array} \tag{9}$$

Gl. (9) gilt auch noch bei dichten Systemen, sie wird daher von POROD [5] als Invariante bezeichnet. Aus den beiden Beziehungen kann sofort das Volumen v eines Teilchens berechnet werden:

$$v = \frac{I(0)}{4 \pi \int h^2 I(h) \, dh} \,. \tag{10}$$

Diese Beziehung ist in der letzten Zeit vor allem von Kratky und Mitarbeitern [6], [7] bei der Auswertung von Kleinwinkelaufnahmen benutzt worden. Ist von dem Präparat die Gesamtmasse der Teilchen G, die Massendichte d sowie die Elektronendichtedifferenz ϱ_0 bekannt, so kann durch Absolutmessung der Streuintensität und Extrapolation zum Winkel Null das Teilchenvolumen ebenfalls bestimmt werden. Es ist

$$I(0) = (1 - w) \, \varrho_0^2 \, \frac{G}{d} \, v \,. \tag{11}$$

Die Berechnung nach (10) ist jedoch die einfachere und sichere Methode. Bei der praktischen Anwendung benötigt man noch ein Extrapolationsverfahren, um I(0) zu bestimmen.

3. Die Guiniersche Näherung [8]

Sie gibt eine Aussage über den Verlauf der Streikurve bei kleinen Winkeln. Entwickelt man nämlic

den Ausdruck $\frac{\sin 2 \pi \hbar x}{2 \pi \hbar x}$ in eine Potenzreihe u

bricht mit dem zweiten Gliede ab, so erhält man nac einiger Rechnung die Beziehung

$$I(h) = w (1 - w) \varrho_0^2 V v \left[1 - \frac{1}{3} R_s^2 (2 \pi h)^2 + \cdots \right]_{\substack{(12) \\ = w (1 - w) \varrho_0^2 V v e^{-\frac{1}{3} R_s^3 (2 \pi h)^3}}.$$

Dabei berücksichtigt die Schreibweise in einer e-Funktion in gewisser Weise auch noch die Glieder mit höhe ren Potenzen von ħ, da erfahrungsgemäß die Streukurven bei kleinen Winkeln den Verlauf einer Glocken kurve zeigen. Die in der Gleichung auftretende Größ R, ist dabei der "Trägheitsradius der Elektronen dichteverteilung" eines Teilchens bezüglich seine Elektronenmassenschwerpunktes. Er wird von Kratkamit "Streumassenradius" bezeichnet, seine Definition ist

$$R_s^2 = rac{\int r^2 arrho({f r}) \; dv_{f r}}{\int \! arrho({f r}) \; dv_{f r}}$$

oder bei konstanter Elektronendichte

$$R_s^2 = \frac{\int r^2 \, dv_r}{v} \; ;$$

r ist dabei der Abstand vom Schwerpunkt des Teil chens, über dessen Volumen integriert wird.

Trägt man nach Guiner [8] in einem Diagramm den Logarithmus der Intensität über h^2 auf, so ergib sich bei kleinen Winkeln (d. h. im Gültigkeitsbereich der Näherung) eine Gerade, deren Extrapolation au $h^2=0$ die gesuchte Größe I(0) ergibt. Zugleich finde man aber aus der Steigung der Kurve den Streumas senradius R_s und hat damit eine Möglichkeit, gewisse Aussagen über die Abweichung der Teilchenform vor der Kugelgestalt zu machen. Man berechnet dazu au dem nach (10) oder (11) erhaltenen Teilchenvolumen unter Annahme einer Kugelgestalt einen Radius $R^{(E)}$ daraus den für eine Kugel leicht zu bestimmenden Streu

massenradius $R_s^{(K)} = \sqrt{\frac{3}{5}}$, $R_s^{(K)}$ und vergleicht ihr mit dem experimentell gefundenen R_s . So erhält mar einen Formfaktor

$$\varphi = \frac{R_s}{R^{(K)}}$$

der ein Maß für die Abweichung des Teilchens von de Kugelgestalt ist. Für ein Rotationsellipsoid mit der Halbachsen R, R und γ R besteht beispielsweise fol gender Zusammenhang zwischen dem Achsenverhält nis γ und dem Formfaktor φ^1 :

$$\begin{array}{l} \gamma = 0.05 \ 0.10 \ 0.50 \ 1.00 \ 2.00 \ 10.00 \ 20.00 \\ \varphi = 2.22 \ 1.76 \ 1.09 \ 1.00 \ 1.12 \ \ 2.70 \ \ 4.26 \end{array}$$

Die Reichweite der Guinierschen Näherung wird in Abb. 5 gezeigt, wo neben der Guinierschen Gerader die exakte Streukurve einer Kugel dargestellt ist Man sieht, daß beide Kurven bis zu einem Winke $h_{max}\,R=0,2\,$ gut übereinstimmen. Will man die Extrapolation der Streukurve nach der Guinierscher Geraden vornehmen, so muß man von der Kleinwin

1
 Die Beziehung lautet: $\frac{1}{\varphi} = \sqrt{\frac{3}{2+\gamma^{2}}} \sqrt[3]{\gamma}$.

¹ Siehe Fußnote 2 auf Seite 45, Spalte 1.

ilkammer verlangen, daß sie bis zu einem Winkel on ungefähr $h_{min} R = 0,1$ eine einwandfreie Streuurve liefert. Das Auflösungsvermögen der Kammer uß also betragen

$$A = \frac{1}{h_{min}} \approx 10 R.$$

line Kammer, die beispielsweise ein Auflösungsver-

högen von 1000 Å besitzt (bei Verwenung von Kupferstrahlung entspricht em ein Beugungswinkel $\varepsilon \approx 0,1^{\circ}$), ann nur Teilchendurchmesser von aximal 200 Å mit einiger Genauigeit bestimmen². Bei größeren Durchnessern erhält man je nach der Krümnung der experimentellen Kurve in ler GUINIERschen Auftragung zu große der zu kleine Werte für I(0) und R_{*} .

4. Der Intensitätsverlauf bei großen Winkeln

Der Verlauf der Kleinwinkelstreuung zu großen Winkeln hin hängt von der Steigung der Q-Funktion bei kleinen Winkeln ab. Hier hat Poron [5] gezeigt, daß für kleine x die Q-Funktion in eine Reihe entwickelt werden kann, wobei das Verhältnis von Teilchenober-

fläche o und Volumen v (bzw. Gesamtoberfläche O aller Teilchen und Gesamtvolumen V) als Faktor auftritt:

$$\begin{split} Q(x) &= Q_T(x) + Q_V(x) \\ &= w \, \varrho_0^2 \, V \left[1 - \frac{o}{4 \, v} \, x + \cdot \cdot \cdot \cdot \right]. \end{split}$$

Hier haben wir die Indizierung wieder eingeführt. Das

für die Kleinwinkelstreuung wich-

tige Q_T ist dann

$$Q_{T}(x) = w \, \varrho_{0}^{2} \, V \left[1 - \frac{o}{4 \, v} x + \cdots \right] - w^{2} \, \varrho_{0}^{2} \, V \,. \tag{13}$$

Diese Beziehung gilt auch für dichte Systeme. Das Verhältnis o/v und damit die Steigung der Q_x -Funktion bei kleinen x-Werten ist unabhängig von der Konzentration w, wenn man sich immer auf gleiche Teilchenzahlen bezieht (d. h. w V = const hält). Eine Änderung tritt erst dann ein, wenn durch Agglomeration der Teilchen die Oberfläche verringert wird. Vergleicht man Gl. (5) mit Gl. (13), so stellt man keine Übereinstimmung fest. Der in (5) vorgezogene Faktor (1 — w) läßt sich in (13) nicht mehr vorziehen. Gl. (5) ist daher nur eine Näherung für hinreichend verdünnte Systeme.

Durch Fourier-Transformation von (13) erhält man die Intensitätsverteilung

$$I(h) = w \,\varrho_0^2 \, V \, \frac{o}{v} \, \frac{1}{8 \, \pi^3 \, h^4} + \beta \, \frac{1}{h^6} \dots$$

$$= \varrho_0^2 \, V \, \frac{O}{V} \, \frac{1}{8 \, \pi^3 \, h^4}. \tag{14}$$

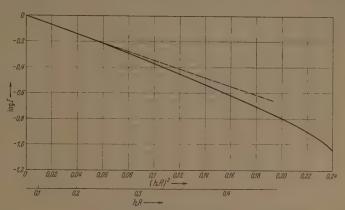


Abb. 5. Vergleich der Streuung einer Kugel vom Radius R mit der zugehörigen Guinierschen Näherung.

Bei genügend großem h ist also nur das erste Glied von Bedeutung, d. h. die Intensität nimmt mit der 4. Potenz von h ab. Bei konstanter Teilchenzahl (w V = const) ist die Intensität der Kleinwinkelstreuung in ihrem Auslauf konzentrationsunabhängig, ähnlich wie im Weitwinkelgebiet zu großen Winkeln hin die Intensität nur von der Gesamtzahl der Atome und nicht von ihrer Anordnung abhängt (vgl. Abb. 1). Eine Aus-

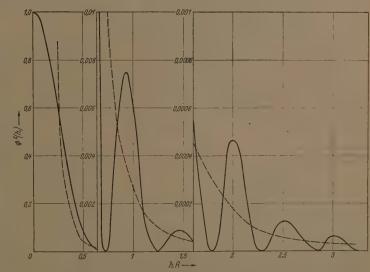


Abb. 6. Vergleich der exakten Streuung einer Kugel vom Radius R mit der zugehörigen Asymptote für große Winkel. Nach Guinier und Fournet [15].

nahme bilden allerdings die Kristalle (raumgittermäßige Anordnung von Atomen oder auch von Teilchen), auf die wir später zurückkommen.

Abb. 6 zeigt die Streuung einer Kugel vom Radius R und

 $^{^2}$ Bei größeren Teilchendurchmessern kann man so vorgehen, daß man die Steigung der experimenteilen Kurve in der Guinierschen Auftragung als Funktion von \hbar^2 aufträgt und diese zum Winkel Null extrapoliert. Man erhält dann einen genaueren Wert für R_{δ} .

dem Volumen V^1

$$I(h) = \varrho_0^2 V^2 \left[\frac{3 (\sin u - u \cos u)}{u^3} \right]^2 = \varrho_0^2 V^2 \Phi^2(u) \quad (15)$$

$$u = 2 \pi hR$$

zusammen mit der Asymptote Gl. (14)

$$I(h) = \varrho_0^2 \frac{4 \pi R^2}{8 \pi^3 h^4}$$

= $\varrho_0^2 V^2 \frac{2}{9 u^4}$.

Die wirkliche Streuung oszilliert, wie man sieht, mit abnehmender Amplitude um die Asymptote, so daß diese den richtigen Mittelwert darstellt.

In den meisten Fällen wird man bei kugelförmigen Partikeln die Nebenmaxima der Streuung nicht beobachten können, da die Teilchen normalerweise keine einheitlichen Durchmesser besitzen, doch existieren

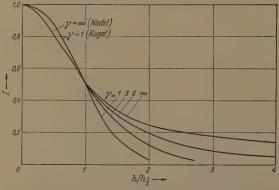


Abb. 7. Streufunktionen von gestreckten Ellipsoiden mit einem Achsenverhältnis 1; 1; γ. Nach Poron [16].

auch Ausnahmen [9], [10]. Eine besondere Ausnahme machen hier Suspensionen von Latex, die einen Durchmesser von etwa 3000 Å haben und im Elektronenmikroskop als gut sichtbare Kugeln erscheinen. Bei der röntgenographischen Kleinwinkelstreuung haben Yudowitch [11] sowie Danielson, Shenfil und DuMond [12] die Nebenmaxima bis zur 17. Ordnung erhalten und konnten durch Vermessung der Lage dieser Maxima den Durchmesser der Partikel bis auf 1% genau bestimmen. So hat man in diesen Latex-Präparaten ein gutes Eichnormal für Elektronenmikroskope.

5. Der Einfluß der Teilchenform auf den Intensitätsverlauf

Treten größere Abweichungen der Teilchenform von der Kugelgestalt auf, so erhalten wir in der Streukurve ein großes Zwischengebiet, wo weder die Guiniersche Näherung noch die 1/h⁴-Asymptote den Kurvenverlauf bestimmt. Es sind eine ganze Reihe von Streukurven der verschiedensten Teilchenformen berechnet worden, wie beispielsweise die Streuung von

 1 Die Berechnung der Streufunktion erfolgt am besten über die Amplitude

$$F(h) = \int_{0}^{R} \varrho(x) \frac{\sin 2 \pi h x}{2 \pi h x} 4 \pi x^{2} dx$$

$$= \varrho_{0} \frac{2}{h} \int_{0}^{R} x \sin 2 \pi h x dx = \varrho_{0} V^{3} \frac{(\sin u - u \cos u)}{u^{3}}$$

Kugelketten [13], von Ellipsoiden [8], Zylinder m kreisförmigem Querschnitt [14] u. a. Wir wollen hie nur einige Näherungsformenl angeben [15], die i einem mittleren Winkelbereich (also nicht für seh kleine und sehr große Winkel) gelten, wobei die Gren zen dieses Bereichs noch von der absoluten Größe de Partikel abhängen. Der Vollständigkeit halber is auch noch die Guiniersche Näherung angegeben (gül tig für kleine Winkel).

GUINIERsche Näherung:

$$I(h) = w (1 - w) \varrho_0^2 V v e^{-\frac{1}{3} \frac{R_s^2}{s} (2 \pi h)^2}$$

Zylinder, Länge 2 H:

$$I(h) = w (1 - w) \varrho_0^2 V v \frac{1}{4 H h} e^{-\frac{1}{2} R_{\tilde{q}}^2 (2 \pi h)^2}$$
 (16)

Kreisscheibe, Durchmesser 2 R:

$$I(h) = w (1 - w) \, \varrho_0^2 \, V \, v \, \frac{1}{2 \, \pi^2 \, R^2 \, h^2} \, e^{-H_{\ell}^2 \, (2 \, \pi \, h)^4} \, .$$

Dabei bedeuten R_q und H_ε für den Zylinderquerschnitt und für die Scheibendicke sinngemäß das gleiche wie R_ε für das voluminöse Teilchen. Insbesondere gelten für eine Kugel vom Radius R, für einen kreisförmigen Querschnitt vom Radius R und für eine Scheibendicke $2\ H$ die Beziehungen:

$$egin{aligned} rac{1}{3} \; R_s^2 &= rac{1}{5} \; R^2 \; , \ rac{1}{2} \; R_q^2 &= rac{1}{4} \; R^2 \; , \ H_e^2 &= rac{1}{3} \; H^2 \; . \end{aligned}$$

Wie Kratky und Mitarbeiter gezeigt haben, kann mar R_q bzw. H_ε direkt ermitteln, indem man die Funktion $\log \left(h\ I(h)\right)$ bzw. $\log \left(h^2\ I(h)\right)$ als Funktion von h^2 auf trägt. Man erhält dann ähnlich wie bei der Guinier schen Näherung in einem mittleren Winkelbereich eine Gerade, aus deren Steigung die gesuchten Größer berechnet werden können. Durch geschickte Kombination dieser Verfahren können in manchen Fällen so die drei verschiedenen Ausdehnungen von Teilchen in Richtungen senkrecht zueinander ermittelt werden was wir gleich an einem Beispiel zeigen wollen.

Aus der so erhaltenen Form und Größe der Teilchen kann man dann wiederum theoretisch die zu erwartende Streuung berechnen und sie mit der experi mentellen vergleichen, um sich zu vergewissern, ob die erhaltenen Werte stimmen. Vor allem von Porod [16] sind für die nicht ganz einfache Berechnung allgemeine Ansätze gegeben worden, an Hand derer die Streuung von Ellipsoiden, Zylindern, Prismen, Stäben usw. berechnet worden ist. Zum Vergleich mit den experimentellen Kurven benutzt man am besten ein log (I) log (h)-Diagramm, wodurch lineare Unterschiede in Maßstab durch einfache Parallelverschiebung der Kur ven eliminiert werden können. Eine andere Möglich keit ist die, daß man alle Kurven auf I(o) = 1 sowie auf ihre Halbwertsbreite $h_{1/2}=1$ normiert, wie ei beispielsweise in Abb. 7 für die Streukurven von Ro tationsellipsoiden geschehen ist.

Interessant ist das Streuverhalten von verknäulter Fadenmolekülen, die in einem mittleren Winkelbe reich wie eine dünne Scheibe streuen $(I \sim 1/\hbar^2)$, zu größeren Winkeln hin jedoch wie ein dünner Zylinder $(I \sim 1/\hbar)$. Aus der Grenze zwischen diesen Bereicher kann man den Verknäuelungsgrad berechnen [17].

1. Die praktische Auswertung eines Streudiagramms

Wir wählen als Beispiel die Bestimmung von Form 1 Größe von γ -Globulin, wie sie vor kurzem von ATKY, POROD, SEKORA und PALETTA [6] durchgeirt worden ist. Abb. 8 zeigt die Streukurve nach zug der Untergrundstreuung des reinen Lösungstels. Trägt man sie nach Guinier auf (Abb. 9), so stält man durch Extrapolation der Endtangente b = 0.324 in willkürlichen Einheiten. Weiterhin kommt man durch Integration

$$Q(o) = 4 \pi \int h^2 I(h) dh = 0.1635 \ 10^{-5} \ \text{Å}^{-3}$$
.

ich Gl. (10) findet man für das Volumen v = I(o)/c) = 1,98 10⁵ ų. Unter Annahme einer Kugelgelt findet man einen Streumassenradius $R^{(K)} = .2$ Å. Aus der GUINIER-Auftragung ergibt sich der perimentelle Streumassenradius zu $R_s = 70$ Å, der sentlich größer ist als $R^{(K)}_s$. Die Gestalt des Teilens weicht demnach erheblich von der Kugelform, der Formfaktor φ errechnet sich zu $\varphi = 70/.5 = 2.5$.

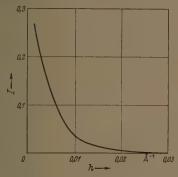


Abb. 8. Streukurve von γ-Globulin. Nach Kratky, Porod, Sekora und Paletta [6].

Die starke Abweichung der Streukurve von der UNIERschen Geraden (Abb. 9) deutet auf einen langstreckten Zylinder als Teilchenform. Nach Gl. (16) hält man durch Multiplikation der Streukurve mit h anschließender Guinier-Auftragung in einem ittleren Winkelbereich eine Gerade (Abb. 10), die m Wert $R_q=15$ Å liefert. Andererseits ergibt die m Winkel $h^2=0$ extrapolierte Kurve einen Wert $I(h)]_0=70,3\ 10^{-5}$ Å $^{-1}$, der nach Gl. (16) der Größe $(1-w)\ \varrho_0^2\ V\ \frac{v}{4\ H}$ entspricht. Dividiert man durch $(o)=w\ (1-w)\ \varrho_0^2\ V$, so erhält man (Volumen = Querschnitt q mal Länge $2\ H$ des Zylinders)

$$\frac{[\![h\ I(h)]\!]_0}{Q(0)} = \frac{v}{4\ H} = \frac{q}{2} = 431,5\ {\rm \AA}^2.$$

er Zylinderquerschnitt beträgt also q=863 Ų. Für e Länge des Zylinders findet man 2 H=v/q=230 Å. Aus dem Querschnitt q errechnet man unter Andhme einer Kreisform einen Streumassenradius q=1,2,3, und zusammen mit dem experimenllen R_q einen Formfaktor q=1,2,3, der auf eine bweichung von der Kreisform schließen läßt. Für nen elliptischen Querschnitt mit den Halbachsen q=1,2,3 der auf den q=1,2,3 der auf den q=1,3,4 den der q=1,3,4 den der q=1,3,4 den den der errechnen lassen. An findet q=1,3,4 Å und q=1,3,4 Å und q=1,4 Das Endergebs lautet also:

Das γ -Globulin besteht aus zylindrischen Stäbchen von der Länge 230 Å, sie haben einen elliptischen Querschnitt mit einem Achsenverhältnis 3:1. Die Durchmesser betragen 56,8 und 19,4 Å.

Kontrollrechnung: Die Länge 2H läßt sich auch aus den Streumassenradien R_s und R_q berechnen, denn es gilt die Beziehung $R_s^2=R_q^2+1/3\,H^3$. Man erhält 2H=237 Å in guter Übereinstimmung mit dem obigen Wert. Ein Vergleich der experimentellen Kurve mit theoretisch berechneten zeigt, daß nur bei dem angegebenen Verhältnis a:b=3:1 bzw. H:a=4:1 eine befriedigende Übereinstimmung mit dem Experiment vorhanden ist.

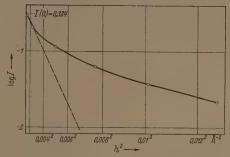


Abb. 9. Streukurve von Abb. 8 in GUINIER-Auftragung [6].

IV. Die Streuung von polydispersen und dichten Systemen

1. Polydisperse Systeme

Sowie wir das Gebiet der monodispersen verdünnten Systeme verlassen, beginnt die Auswertung von Diagrammen auf erhebliche Schwierigkeiten zu stoßen, weil zu viele Parameter in die Rechnung eingehen, die unbekannt sind. Bei polydispersen verdünnten Systemen kann man beispielsweise unter Annahme einer bestimmten Teilchenform und einer bestimmten Ver-

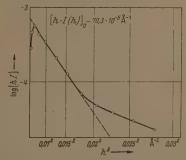


Abb. 10. Funktion h I(h) von γ -Globulin in Guinier-Auftragung [6].

teilungsfunktion der Teilchengröße Streudiagramme berechnen und mit dem Experiment vergleichen. Man kann dann die mittlere Partikelgröße sowie die Schwankungsbreite dieser Größe angeben, wie es Shull und Roess [18] getan haben. Vielfach wird auch angenommen, daß jedes Partikel eine Streufunktion hat, die mit der Guinierschen Näherung übereinstimmt. Hiermit erhält Hosemann [19] eine einfache Methode, um aus der Streukurve die Parameter der Verteilungsfunktion zu erhalten. Er trägt die Funktion \hbar^2 I(h) über \hbar auf, die an der Stelle h_m ein Maximum enthält.

Aus der Lage dieses Maximums sowie einer weiteren Größe, die den Verlauf der Kurve für Werte $h>h_m$ charakterisiert, können dann wieder die zwei Parameter (mittlere Partikelgröße und Schwankungsbreite) berechnet werden.

In Fällen, wo sich die Polydispersität nur auf zwei verschiedenartige Teilchenarten beschränkt, deren Volumina beträchtlich voneinander abweichen, kann man die Streukurve zwangslos in die beiden Anteile zerlegen und so getrennt Teilchengröße und Form sowie das Mengenverhältnis beider Arten bestimmen [7].

Die Bestimmung eines mittleren Volumens v nach (10) oder (11) ist nicht möglich, da die Proportionalität von I(0) mit $w \ V \ v$ bei polydispersen Systemen übergeht in $N \ \bar{v}^2 = w \ V \ \bar{v}^2 / \bar{v}$. Man würde also ein Volumen $v' = \bar{v}^2 / \bar{v}$ bestimmen, welches alles andere als ein Mittelwert ist. Hingegen läßt sich aus Gl. (14) in Verbindung mit (9) aus dem Streuverlauf bei großen Winkeln die spezifische Oberfläche O/V bestimmen. Man erhält

$$\frac{O}{V} = 8 \pi^3 w (1 - w) \frac{\lim [h^4 \cdot I(h)]}{Q(o)}.$$
 (17)

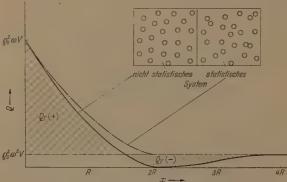


Abb. 11. Das Faltungsquadrat eines verdünnten Systems von Teilehen, die nicht statistisch vertellt sind.

—————— desgl. für ein statistisches System.

2. Dichte Systeme

Andere Schwierigkeiten treten auf, wenn wir zu dichten Systemen übergehen. Ähnlich wie sich die Streukurve im Weitwinkelbereich ändert, wenn sich mehrere Atome zu einem Molekül zusammenlagern (Abb. 1), ist eine Änderung der Kleinwinkelstreuung zu erwarten, wenn die Packungsdichte der Partikel so groß wird, daß die Abstandsstatistik eine Rolle zu spielen beginnt. Diese Änderung wird sich vor allem zu kleinen Winkeln hin bemerkbar machen. Das Problem liegt hier ähnlich wie bei den Flüssigkeitsstrukturen, wo der Intensitätsverlauf im Weitwinkelgebiet durch die Atomstreuung $f_A^2(h)$ sowie durch die Abstandsstatistik der Atome untereinander beeinflußt wird. Dort hat man jedoch den Vorzug, daß neben der experimentellen Streukurve $I_A(h)$ auch noch die Atomstreuung $f_A^2(h)$ bekannt ist. Indem man die Differenzkurve bildet, hat man bei den Flüssigkeiten und amorphen Festkörpern die Möglichkeit, nach der Theorie von ZERNICKE und PRINS [20] und DEBYE und Menke [21] die Abstandsstatistik zu bestimmen. Im Bereich der Kleinwinkelstreuung ist jedoch die entsprechende Teilchenstreuung $f_{\tau}^{2}(h)$ nicht bekannt, es sei denn, daß man das System erst in einen verdünnten Zustand versetzt, wo man $f_r^2(h)$ dann unmittelbar messen und nach Abschnitt III auswer kann.

Da in dichten Systemen die Gl. (9) für Q(o) wie Gl. (14) für den Intensitätsverlauf bei groß Winkeln erhalten bleibt, kann man auch hier die szifische Oberfläche O/V nach Gl. (17) experimen bestimmen. (Beispielsweise bei Katalysatoren, O/V eine wichtige Größe ist.) Es kommt auch widaß man bei bestimmten Stofftypen (feste Gele) einem großen Winkelbereich keine $1/h^4$ -Asymptote hält, sondern eine solche mit $1/h^4$. Dann kann maus dem Exponenten n Schlüsse ziehen über die Tichenform, die dann eine wesentliche Abweichung wie der Kugelgestalt hat [22]. Diese Messungen sit jedoch äußerst schwierig durchzuführen, da man ein Intensitätsbereich I: 1000 durchfahren muß, um hir reichende Aussagen machen zu können.

a) Der Intensitätsverlauf beim Winkel $\hbar = 0$

Kehren wir zu unserer Q-Funktion zurück, die v nach Abb. 4 auch für ein dichtes System zerleg können in

$$Q(x) = Q_T(x) + Q_V(x) .$$

Wie Hosemann [3] gezeigt hat, gilt für die Funktion

$$\int Q(x)\;dv_x = \int Q_v(x)\;dv_x = w^2\,\varrho_0^2\;V^2\;.$$
 Danach muß für $Q_T(x)$ gelten

 $\int Q_T(x) \, dv_x = J_T(0) = 0 .$

Es muß also Q_T irgendwo einen negativ Anteil besitzen. Dieser macht sieh soft bemerkbar, wenn wir ein verdünntes, al nicht mehr statistisches System betrachte Jedes Teilchen vom Volumen v möge in d Mitte eines Volumens $v_1 = v/w$ sitzen, inma halb dessen die Wahrscheinlichkeit, zweites Teilchen anzutreffen, sehr klein i (Abb. 11). Die Streukurve zeigt ein Mamum und fällt zum Primärstrahl hin et

sprechend Gl. (18) auf Null ab. Haben wir hingeg ein statistisches System, so ist die Wahrscheinlichke in einem Abstand x von einem Teilchen ein zweit anzutreffen, unabhängig von x. Dadurch wird der neg tive Anteil von Q_T zu unmeßbar kleinen Werten a einen sehr großen Bereich von x verschmiert [25]. F die Intensität bedeutet dies, daß der Abfall zum Winl Null hin erst bei unmeßbar kleinen Winkeln auftri Im meßbaren Winkelbereich steigt die Intensität zu Winkel Null hin an. Nimmt nun die Volumenkonze tration zu, dann kann das System nicht mehr ga statistisch sein, der negative Anteil von Q_{τ} mad sich bemerkbar, die Intensität bei kleinen Winke nimmt ab (wenn nicht gegenteilige Effekte wie C sterbildung hinzukommen). Nach FOURNET [14] hält man dann

$$\int Q_T(x) \ dv_x = I_T(0) = w \ \varrho_0^2 \ V \ v \ \frac{N^2 - N^2}{N}.$$

Dieser Ausdruck ist jedoch nicht ganz befriedigend, beispielsweise in einer eingefrorenen Struktur im 1 strahlten Volumen V keine Schwankungen vorkomen. Es ist dort $\overline{N^2}=\overline{N^2}=N^2$ und mithin $I_T(0)=$ Daß dieser Wert herauskommen muß, liegt einfadaran, daß definitionsgemäß die gesamte Intensi

m Winkel Null gleich der Volumenstreuung $I_{\overline{V}}$ ist, whit für I_T natürlich nichts mehr übrig bleibt. Was interessiert, ist daher nicht $I_T(0)$ sondern $\lim_{h\to 0} I_T$, d dafür läßt sich die folgende Formel angeben¹:

$$\lim_{h \to 0} I_T = w \, \varrho_0^2 \, V \, v \, \frac{\overline{N_a^2} - \overline{N_a^2}}{\overline{N}_a}$$

$$= w \, \varrho_0^2 \, V \, v \, \sigma_a \, .$$

$$(19)$$

erbei bedeutet $\overline{N_a^2}$ das über das Gesamtvolumen V mittelte Quadrat der Teilchenzahl in einem Voluen v_a , dessen Durchmesser dem Auflösungsvermögen h_{min} der Kammer entspricht. Für ein statistisches stem hat der Quotient σ_a in (19) den Wert 1, bei stemen mit Clusterbildung (in denen sich also aufwerke von Teilchen bilden) einen Wert größer 1, r den entgegengesetzten Fall (gleichmäßigere Verillung im Raum) einen Wert kleiner 1.

Am Beispiel des Molekülgases Abb. 4 soll die Beeutung von Gl. (19) anschaulich gemacht werden, obei wir aber nicht die Moleküle, sondern die Atome s Teilchen betrachten wollen. Eine Kammer mit m Auflösungsvermögen 1000 Å registriert in einem itsprechenden Volumen eine starke Clusterbildung er Atome, der Quotient σ_a berechnet sich zu $\sigma_a = n$ = Zahl der Atome pro Molekül). Eine Kammer mit nem Auflösungsvermögen von 10 Å jedoch wird für en Quotienten einen Wert $\sigma_a \ll 1$ finden. Da die Toleküle 100 A Durchmesser haben, registriert die lammer im wesentlichen die regelmäßige Anordnung er Atome im Innern der Moleküle. Nur an den Randebieten der Moleküle verzeichnet sie eine Schwankung er Atomzahl im Volumen v_a , weshalb der Wert von und damit die Intensität nicht ganz auf Null abnkt. Mit dieser Kammer würde man also einen sehr leinen Intensitätswert nach Null extrapolieren. Eine ammer mit einem Auflösungsvermögen von 3 Å jeoch (dem entspricht etwa der Atomdurchmesser) eigt bereits wieder die Schwankung der Atomanordung im Molekül an und würde einen Quotienten der rößenordnung 1 liefern. Das Beispiel zeigt, wie man ei ein und derselben Atomanordnung je nach dem uflösungsvermögen die unterschiedlichsten Extraolationswerte für lim I bekommt. So wie unsere

Lammer mit einem Auflösungsvermögen von 10 Å die Anhäufung von Atomen zu Molekülen von einem Durchmesser 100 Å nicht registriert, genau so wenig larf man von einer Kleinwinkelkammer mit einem Auflösungsvermögen von 1000 Å erwarten, daß sie Austerbildungen von 10 000 Å Durchmesser anzeigt. Es können also nur die Schwankungen der Teilchenahlen in Volumina mit 1000 Å Durchmesser beobechtet werden.

Wie aus Gl. (19) hervorgeht, wird der Intensitätsverlauf bei kleinen Winkeln sowohl vom unbekannten Feilchenvolumen v bestimmt als auch von dem durch die Abstandsstatistik beeinflußten Faktor σ_a . Beide Größen lassen sich danach nicht trennen.

b) Die Streuformel beim Übergang von verdünnten zu dichten Systemen

Von ZERNICKE und PRINS [20] sowie von DEBYE and MENKE [21] ist eine Intensitätsformel für Flüssig-

¹Ähnliche Gedankengänge finden sich bei Guinier and Fourner [15]. keitsstruktur abgeleitet worden, die sich auch auf die Kleinwinkelstreuung von Teilchen übertragen läßt. Danach ist

$$I(h) = N \overline{F^2(h)} - \frac{N w}{v} \overline{F(h)^2} \int_{0}^{\infty} (1 - P(x)) imes rac{\sin 2 \pi h x}{2 \pi h x} 4 \pi x^2 dx.$$

Dabei bedeutet $\overline{F^2(h)}$ die über alle Orientierungen gemittelte Streuintensität eines Teilchens, $\overline{F(h)}$ die entsprechend gemittelte Streuamplitude. P(x) ist eine Funktion, die durch die Abstandsstatistik der Teilchenschwerpunkte bestimmt ist. Sie ist dem Faltungsquadrat der Teilchenschwerpunkte proportional und so normiert, daß für große x (für die das Faltungsquadrat gleich $(N/V)^2$ V=N w/v ist) den Wert 1 annimmt. Für zentrosymmetrische Partikel, auf die wir

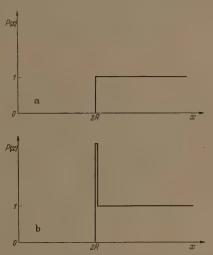


Abb. 12. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion P(x), a) nach dem Ansatz von Debye; b) nach dem Ansatz von GINGRICH und WARREN.

uns hier beschränken wollen, vereinfacht sich die Formel zu

$$I(h) = N F^{2}(h) \left[1 - \frac{w}{v} \int_{0}^{\infty} (1 - P(x)) \times \frac{\sin 2\pi h x}{2\pi h x} 4 \pi x^{2} dx \right]$$

$$= N F^{2}(h) \cdot a(h). \qquad (20)$$

Vergleichen wir diese mit einer früheren Formel verdünnter Systeme, beispielsweise der Guinderschen Näherung, Gl. (12), so besteht der Unterschied darin, daß statt des Faktors (1-w) in (20) nun der kompliziertere Ausdruck a(h) auftritt.

Debye [24] machte den ersten Ansatz über den Verlauf von P(x) für den Fall kugelförmiger Partikel vom Radius R ohne kräftemäßige Wechselwirkung untereinander (Abb. 12a) und erhielt

$$I(u) = w \varrho_0^2 \ V \ v \ \Phi^2(u) \ [1 - 8 \ w \ \Phi(2 \ u)] \ . \tag{21}$$

Dabei ist $\Phi^2(u)$ die normierte Streufunktion einer Kugel, Gl. (15). Wie man sieht, liefert diese Beziehung schon bei Dichten w > 0,125 für kleine h-Werte negative Intensitäten.

Einen anderen Ansatz für P(x) machten GINGRICH und WARREN [25] (Abb. 12b), sie erhielten

$$\begin{split} I(u) &= w \, \varrho_0^2 \, V \, v \, \Phi^2(u) \\ &\times \left[1 - w \left(8 \, \varPhi \, (2 \, u) - 6,65 \, \frac{\sin 2 \, u}{2 \, u} \right) \right] \, . \end{split} \tag{22}$$

Die Wechselwirkung zwischen den Teilchen wird durch die große Spitze von P(x) berücksichtigt, Diese Formel ergibt keine negativen Intensitäten, für die maximale Packungsdichte w=0.74 wird I(o)=0. Mit Gl. (22) wurde quantitative Übereinstimmung mit Streukurven von Äther bis zu Konzentrationen w=0.4 festgestellt. Desgleichen benutzte sie Yudowitch [10] zur Deutung eines Beugungsmaximums bei seinen Untersuchungen an kolloidalem Gold.

Mit einem theoretisch besser fundiertem Ansatz, der aus der Theorie der Flüssigkeiten und Gase von Born und Green abgeleitet ist, erhält Fournet [26] eine Beziehung für I(h), in der direkt die Potentialfunktion der untersuchten Partikel eingeht. Setzt man hier eine solche ein, die außerhalb des Teilchens den Wert Null hat (keine Wechselwirkung), so erhält man

$$I(h) = w \, \varrho_0^2 \, V \, v \, \Phi^2(u) \, \frac{1}{1 - 8 \, w \, k \, \Phi(2 \, u)} \tag{23}$$

wobei $k \approx 1$ ist. Diese Formel stellt eine bessere Näherung im Vergleich zum Debyeschen Ansatz (21) dar. Allgemein läßt sich folgendes sagen:

- 1. Die Annahme vernachlässigbarer Wechselwirkung (Potential Null außerhalb der Partikel) Gl. (23) liefert bereits bei kleinen Konzentrationen w ein starkes Absinken von I(0), der experimentell bestimmbare Streumassenradius R_s ist kleiner als der wirkliche (und zwar bei einer Konzentration w=0.03 bereits um 40%).
- 2. Die Annahme einer starken Wechselwirkung (negatives Potentialfeld in unmittelbarer Umgebung der Partikel) nach Gl. (22) oder auch nach dem genaueren Ansatz von Fournet liefert ein weniger starkes Absinken von I(o), nach Fournet sogar bei entsprechenden Potentialfunktionen ein Ansteigen durch Clusterbildung. Der gemessene Streumassenradius R_s ist größer als der tatsächliche (bei w=0.03 nach Formel (22) um etwa 18%).

In der Praxis wird man sich irgendwo zwischen diesen Extremfällen befinden, wobei es von der Natur der zu untersuchenden Stoffe abhängt, wie groß die Tendenz der Abweichung zur einen oder anderen Seite ist. Man kann daher keine Regel aufstellen, ab welcher Konzentration w ein System nicht mehr wie ein verdünntes behandelt werden kann. Deshalb ist es notwendig, bei einer Auswertung eines verdünnten Systems nach Abschnitt III sich zu vergewissern, ob sich dieses tatsächlich wie ein solches verhält. Dazu macht man am zweckmäßigsten die Untersuchungen bei zwei verschiedenen Konzentrationen, die dann übereinstimmende Ergebnisse zeitigen müssen. Beispielsweise hat Fournet [14] bei seinen Untersuchungen des Pferde-Hämoglobins gefunden, daß bis zu Konzentrationen von 10% keine Änderung des experimentell bestimmten Streumassenradius R_s auf-

c) Die Streuung dichtgepackter Systeme

Ähnlich wie bei den dichtgepackten Atomen Flüssigkeits- und Kristallstrukturen auftreten, bei denen

in Gl. (20) die Funktion P(x) und damit auch a mehrere Maxima haben, findet man auch bei glol lären Teilchen in dichter Packung flüssigkeitsähnlic und kristallähnliche Strukturen, die mehr oder wenig scharfe Maxima auf der Kleinwinkelstreukurve hvorrufen bzw. diese in Ringe oder Reflexe aufspalte Wegen der mannigfachen Formen, die die Partil dabei haben können, findet man eine Vielfalt vsten Kugelpackungen von Globulin [27] mit einer Gterkonstanten von 123 Å bis zu den parakristallin Faserstoffen mit mehr oder weniger ausgeprägt Gitterperiodizitäten von ähnlicher Größenordnung.

Die Deutung komplizierter Diagramme ist sel schwierig. Einen Weg dazu hat Hosemann [28] seiner Theorie des idealen Parakristalls gegeben. D Deutung der Diagramme beschränkt sich dabei auf d Angabe von statistischen Parametern, (z. B. mittler Abstand der einzelnen Partikel und seine Schwa kungsbreite in den verschiedenen Richtungen d untersuchten Stoffes), wie sie aus der Lage der M xima der Funktion a(h) und ihrer Breite entnomme werden können. Ist die Schwankungsbreite der Tei chenabstände (und damit in einem dichten System auch die der Teilchendurchmesser) sehr groß, so ve schwimmen die Maxima von P(x) und entsprechen von a(h) immer mehr und gehen schließlich ganz ve loren. Was jedoch erhalten bleibt, ist das Minimus P(x) = 0 für kleine x-Werte bis zu einem x_0 , der de Durchmesser der kleinsten vorhandenen Teilchen en spricht. Dieses Minimum bewirkt, daß a(h) bei poly dispersen dichten Systemen niemals im ganzen Winke bereich den Wert 1 erhält, also immer noch von Ein fluß ist. Die Theorie von Hosemann [29] zeigt, da ab einem bestimmten Verhältnis von Polydispers tätsgrad g zur Volumenkonzentration w dieser Eis fluß vernachlässigbar ist, daß man dann wie in eine verdünnten polydispersen System rechnen kann. I aber dieses Verhältnis g/w im vornherein nicht b kannt ist, kann man allein aus der Tatsache, daß d Intensitätskurve keine Andeutung eines Maximun besitzt, nicht auf das Vorliegen eines genügend große Verhältnisses g/w schließen.

So erklären sich die unterschiedlichen Ergebnis bei der Deutung der Kleinwinkelstreuung von Cellose-Präparaten. Hosemann [30] errechnete unt Vernachlässigung des Einflusses der Abstandsstatstik eine ziemlich hohe Polydispersität seiner Präprate, während Kratky, Porod und Mitarbeiter [3 unter Annahme einer bestimmten Teilchenform (Blätchen) die Abstandsstatistik dieser Blättchen erhielte die auf eine geringere Schwankung der Blättchendict schließen läßt. Neuere Untersuchungen an verdümten Systemen von Cellulosepräparaten [32] zeigen, de die Annahme der geringen Polydispersität berechtigist.

V. Die Kleinwinkelstreuung von Inhomogenitäten in Metallen und Legierungen

Bezeichnet man mit ϱ_m die mittlere Elektronen dichte in einem Festkörper, so kann die tatsächlich Elektronendichteverteilung dargestellt werden durch

$$\varrho(x) = \varrho_m + \eta(x)$$

wobei $\eta(x)$ die Abweichung der Dichteverteilung von ihrem Mittelwert darstellt, für die $\int \eta(x) \ dv_x = 0$ gil

Man findet dann die folgenden Beziehungen

a) für das Faltungsquadrat

$$Q_T(x) = Q(x) - Q_r(x) = \varrho_m^2 V + \eta(x) - \varrho_m^2 V,$$

$$= \eta(x),$$

b) für die Integralintensität

$$\int I(h) dv_h = Q_T(o) = (\overline{\varrho^2} - \overline{\varrho}^2) V$$

$$= \overline{\eta^2} V,$$
(24)

c) für den Grenzwert der Intensität bei kleinen inkeln [s. Gl. (19)]

$$\lim\,I(o)=(\overline{\eta_a^2}-\overline{\eta}_a^2)\,\,V/v_a\,. \eqno(25)$$

der letzten Beziehung ist $\eta_a = \int\limits_{v_a} \eta(x) \ dv_x$ die über beliebiges in V liegendes Volumen v_a integrierte Funktion, $\overline{\eta_a}$ und $\overline{\eta_a^2}$ sind dann die entsprechend nommenen Mittelwerte dieser Funktion (bzw.

nommenen Mittelwerte dieser Funktion (bzw. res Quadrates) für alle möglichen Volumina v_a V. Die Größe von v_a ist genau wie in Gl. (19) geben durch das Auflösungsvermögen der Kleinnkelkammer.

Folgende Fälle sind bisher untersucht worden:

1. Inhomogenitäten der Atomverteilung in Mischkristallen

Finden in Substitutionsmischkristallen Entmihungen derart statt, daß in manchen Gitterbereichen ne andere Konzentration von Atomen der Sorte A errscht als in ihrer Umgebung, und haben diese ebiete einen Durchmesser von 20 bis 200 Å, so acht sich ihr Vorhandensein durch eine Kleinwinkelreuung bemerkbar. Solche Entmischungszonen, die ach ihren Entdeckern den Namen GUINIER-PREcon-Zonen erhalten haben, spielen bei der Aushäring gewisser Legierungen eine wesentliche Rolle. Als eispiel seien hier die aluminiumreichen Mischkrialle der Systeme Aluminium-Kupfer und Alumium-Silber angeführt. Bei der ersteren werden die ntmischungszonen von einatomaren Schichten von upferatomen parallel zu den Würfelebenen des ristallgitters gebildet [33]. Auf Kleinwinkelaufahmen von Einkristallen sieht man schmale Intentätsstreifen, die von h=0 in Richtung der Würfelbenen-Normale verlaufen. Sie setzen sich bis in das Veitwinkelgebiet fort, wobei der dortige Intensitätserlauf nähere Angaben über die Struktur dieser onen ermöglichte.

Schwieriger ist der Fall bei der Aluminium-Silberegierung. Hier sind die Zonen voluminös, die Streuscheinungen bleiben auf die nächste Umgebung des rimärstrahles beschränkt. Man findet dort einen eugungsring um den Primärstrahl, unabhängig von er Kristallorientierung [34]. Die Intensität sinkt ım Winkel h = 0 hin auf den Wert Null ab. Nach l. (25) bedeutet dies, daß in Volumina v_a mit etwa 000 Å Durchmesser (entsprechend dem Auflösungsermögen der Kammern) die mittlere Abweichung η_a er Elektronendichteverteilung von ihrem Mittelwert penfalls gleich Null sein muß. Die mittlere Elekonenkonzentration in diesen Volumina bleibt also chalten, jeder entstehende silberreiche Komplex muß emnach ein entsprechendes silberarmes Gebiet in iner Umgebung zurücklassen. Die Fouriertrans-

formation der Intensitätsverteilung liefert das Faltungsquadrat¹ von $\eta(x)$, dessen Verlauf ein Maß für die mittlere Wahrscheinlichkeit P(x) ist, in einem Abstand x von einem Silberatom wiederum ein Silberatom zu finden [35]. Hieraus kann man einen mittleren Durchmesser der Silberkomplexe sowie einen solchen für die an Silber verarmte Umgebung bestimmen, die in der Größenordnung von 50 bis 100 Å liegen [36]. Jedoch ist es nicht möglich, nähere Angaben über die Konzentrationsverteilung der Silberatome zu machen, insbesondere die Absolutwerte der Silberkonzentration in den Zonen zu bestimmen, da nicht bekannt ist, wie groß die Anzahl der Entmischungszonen bzw. deren Volumenanteil w ist. Man kann lediglich aus der Integralintensität die Größe $\overline{\eta^2} = \overline{\varrho^2} - \varrho_m^2$ bestimmen, die ein Maß für die Entmischung im Kristall

2. Inhomogenitäten in verformten Metallen

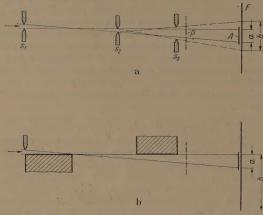
Bei Untersuchungen an stark verformten Metallen haben J. Blin und A. Guinier [38] eine Kleinwinkelstreuung festgestellt, aus der sie einen Streumassenradius $R_s \approx 6$ Å errechnen. Die Streuintensitäten sind sehr klein, sie nehmen zu kleinen Winkeln hin ständig zu. Die Autoren vermuten, daß submikroskopisch kleine Löcher im Material, die bei der Verformung entstehen, für die Streuung verantwortlich sind. Neuere Rechnungen von Seeger [39] zeigen jedoch, daß die bei der Verformung entstehende große Zahl von Versetzungen ebenfalls als Ursache für die Kleinwinkelstreuung angesehen werden kann. Eine Versetzung hat nämlich nicht, wie bisher angenommen wurde [40], die gleiche mittlere Elektronendichte ϱ_m wie ein ungestörtes Gitter, sondern vielmehr eine Elektronendichte $\bar{\varrho} < \varrho_m$. Demzufolge liefert eine Versetzung ebenfalls eine Streuung, die ihren Maximalwert beim Winkel Null hat. Eine eindeutige Erklärung der Beugungserscheinung von verformten Metallen steht also noch aus.

VI. Zur Methodik der Kleinwinkelstreuung

Zur praktischen Anwendung der hier dargelegten Methoden benötigt man eine gute Kleinwinkelkammer. Viele Typen sind entwickelt worden, die meisten von ihnen liefern auf Grund der geometrischen Verhältnisse eine Verzerrung des Beugungsdiagramms, da aus Intensitätsgründen mit einem spaltförmigen statt mit einem punktförmigen Primärstrahl gearbeitet wird. Einen guten Überblick über die bestehenden Aufnahmeund Korrekturmethoden gibt das Buch von Guinier und Fournet [15] sowie ein zusammenfassender Bericht von Hosemann [28b], denen auch weitere Einzelheiten über die Theorie der Kleinwinkelstreuung zu entnehmen sind. Desgleichen sind die Bücher von Klug und Alexander [41] sowie Peiser, Rooksby und Wilson [42] zu nennen, in denen sich Kapitel über Kleinwinkelstreuung befinden. Nachzutragen ist hier lediglich eine neue Kammer von Kratky [43], die sich durch einfache Konstruktion sowie Störstrahlenfreiheit bis zu einem Auflösungsvermögen von über 1000 A (bei Verwendung von Kupferstrahlung) auszeichnet, sowie ein Gerät von GEROLD [44], das auf geometrischem Wege die vorhin genannten Verzerrungen zu eliminieren gestattet.

 $^{^{1}}$ Das Faltungsquadrat zeigt einen ähnlichen Verlauf wie die ausgezogene Kurve in Abb. 11.

Die Kammer von Kratky benutzt einen spaltförmigen Primärstrahl und beschränkt sich auf die Aufnahme des Beugungsdiagramms nur auf einer Seite vom Primärstrahl. Bei den bisher üblichen Kammern wurde der Primärstrahl durch zwei Spalte S₁ und S_2 begrenzt (Abb. 13a), während ein dritter Spalt S_3 dafür sorgte, daß die an der Blende S_2 entstehende



Abb, 13. Zum Aufbau der Kratkyschen Kammer. a) Strahlengang in einer gewöhnlichen Kammer; b) Strahlengang in der Kratkyschen Kammer. Schematische Skizzen, die Dimension quer zur Strahlrichtung ist stark vergrößert. $P = \operatorname{Präparat}_{i} A = \operatorname{Primärstrahliänger}_{i} a = \operatorname{Breite}_{i} \operatorname{des}_{i} \operatorname{Primärstrahles}_{i}_{i}$ b = durch Blendenstreuung verseuchtes Gebiet; $F = \operatorname{Filmebene}_{i}$

Blendenstreuung abgefangen wurde. Die Blende S_3 darf den Primärstrahl nicht berühren, ihr Spalt sollte jedoch so eng wie möglich sein, damit die durch die Blendenstreuung verseuchte Zone b möglichst klein bleibt. Die Kammer von Kratky (Abb. 13b) begrenzt den Primärstrahl auf einer Seite durch polierte Flächen, die genau in einer Ebene liegen. Dadurch wird die oberhalb des Primärstrahles liegende Seite völlig frei von Blendenstreuung gehalten, und man

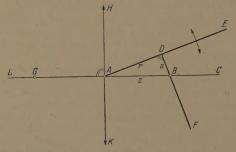


Abb. 14. Schematische Skizze des Entzerrungsgerätes von GEROLD.

kann bis auf wenige Winkelminuten an den Primärstrahl heran völlig einwandfrei die Streuung des Präparates P messen.

Die Benutzung eines spaltförmigen Primärstrahles (wie beispielsweise bei der eben beschriebenen Kammer) bewirkt, daß eine ursprünglich rotationssymmetrische Intensitätsverteilung I(r) um einen punktförmigen Primärstrahl völlig verzerrt wird. Man mißt dann auf dem Äquator des Films eine Intensität U(z), und es entsteht die Aufgabe, aus U(z) die gesuchte Verteilung I(r) zu bestimmen. Wie verschiedene Autoren [45], [44] gezeigt haben, treten bei dieser Transformation Integrale der Form

$$\int\limits_{z}^{z_0} \frac{U'(z)}{z} \cdot \frac{z}{\sqrt{z^2-r^2}} dz$$

auf¹, wobei U'(z) die erste Ableitung von U(z)Bei dem von Gerold konstruierten Gerät umfä ein Fahrstift die Kurve U'(z)/z, beschreibt also g

phisch das Integral $\int\limits_{r}^{z} \frac{U(z)}{z} \ dz$. Diese Bewegung w durch einen Mechanismus auf einen Planimetera dergestalt übertragen, daß dieser die Integration (ausführt.

Abb. 14 bringt eine Prinzipzeichnung des Gerät Der Arm LAC liegt horizontal in Richtung der Achse der Kurve U'(z)/z. Der Punkt B kann si längs AC bewegen, er ist der Fahrstift, der die Kur umfährt. Der Punkt G kann sich längs der Linie bewegen und führt das Planimeter. Der Arm AE um den Punkt A drehbar gelagert und besitzt einstellbaren Abstand r = AD den Arm DBF. W sentlich ist, daß DF ebenfalls vom Punkt B des Fal stiftes geführt wird. Bewegt sich nun der Fahrstift um eine Strecke dz längs AC nach rechts, so dre sich der Arm AE nach links, wobei sich die Stree s = DB um den Betrag $ds = z/\sqrt{z^2 - r^2} \cdot dz$ änder Das ist aber gerade der Betrag, um den sich die Plan meterführung G auf AL nach rechts bewegen mu Dies läßt sich sehr leicht durch einen Schnurzug von über D und A nach G erreichen. Das ganze Gerät in der zu LAC senkrechten Richtung HAK fahrbe

Literatur. [1] Debye, P.: Ann. Physik 46, 809 (1915).
[2] Hosemann, R. und S. N. Bagcht: Acta crystallogr.
749 (1952. — [3] Hosemann, R.: Z. Elektrochem. 58, 2
(1954). — [4] Hosemann, R. und D. Joerchelt: Z. Physik 15 749 (1952. — [3] Hosemann, R.: Z. Elektrochem. 58, 2 (1954). — [4] Hosemann, R. und D. Joerchel: Z. Physik 18 (200 (1954). — [5] Porod, G.: Kolloid-Z. 125, 83 (1951), 15 (1952). — [6] Kratky, O., G. Porod u. A. Sekora u. B. Paletta; J. Poymer Science 14, 163 (1955). — [7] Kraky, O. und I. Pilz: Z. Naturforschg. 10 b, 389 (1955). Kraky, O., I. Pilz und A. Sekora, Z. Naturforschg. 10 b, 5 (1955). — [8] Guinier, Ann. Phys. 12, 161 (1939), J. chi phys. 40, 133 (1934). — [9] Schmidt, P., P. Kaesberg u. W. W. Beeman: Biochim. et Biophysica Acta 14, 1 (1954). [10] Yudowitch, K. L.: J. appl. Phys. 20, 174 (1949). [11] Yudowitch, K. L.: J. appl. Phys. 22, 214 (1951). [12] Danielson, W. E., L. Shenfil und J. W. M. Dumon J. appl. Phys. 23, 860 (1952). — [13] Kratky, O. und A. Skora: Naturw. 31, 46 (1943). — Kratky, O. und A. Skora: Naturw. 31, 46 (1943). — Kratky, O.: Monats and Sons, New York 1955. — [16] Porod, G.: Acta. phy Austriaca 2; 255 (1947). — [17] Kratky, O.: Naturw. 4237 (1955). — [18] Shull, C. G. und L. C. Roess: J. applhys. 18, 295 (1947). — [19] Hosemann, R.: Z. Physik 11 (1939), 114, 133 (1939). — [20] Zernicke, F. und J. Prins: Z. Physik 41, 184 (1927). — [21] Derve, P. und Menke: Erg. Techn. Röntgenkunde 2, 1 (1931). — [22] Kraky, O.: Österr. Chemiker-Ztg. 54, 193 (1953. — [24] Derve, G. Porod und H. Ruck: Kolloid-Z. 133 16 (1953). — [24] Derve, Physik Z. 28, 135 (1927). — [25] Ginorder, N. S. und B. G. Pobod und H. Ruck: Kolloid-Z. 133 16 (1953). — [23] G. Rold, V.: Z. Elektrochem. 60, 405 (1956). — [24] Debyer, I. Physik Z. 28, 135 (1927). — [25] Gingeren, N. S. und B. Warren: Phys. Rev. 46 248 (1934). — [26] Fournet, Compt. Rend. 228, 1421 u. 1801 (1949). Acts crystallogr. 293 (1951). — [27] Crowfoot, D. und I. Fankuchen: Natu 141 522 (1938). — [28] Hosemann, R.: Z. Physik 128 4 (1950). Erg. der exakt. Naturw. 24 142 (1951. — [29] Hosmann, R.: Kolloid-Z. 117, 13 (1950). — [30] Hosemann, F.

$$U(x) = 2\int\limits_0^\infty J\left(\sqrt[]{x^2+t^2}\,dt\,\mathrm{und}\,J(r) = -rac{1}{\pi}\int\limits_r^\infty rac{U_{\prime}(z)}{z}\cdotrac{z}{\sqrt{z^2-r^2}}\,dt$$

¹ Für den Fall des unendlich langen Primärstrahles laut

lektrochem. 46, 535 (1940). Kolloid-Z. 119, 129 (1950). — | Lektrochem. 46, 535 (1940). Kolloid-Z. 119, 129 (1950). — | JANISCHIZKRIECI., H., O. KRATKY und G. POBODI: Lektrochem. 56, 146 (1952). — [32] KRATKY, O. und H. SEMSH: Angw. Chemie 67, 603 (1955). — [33] GEROLD, V.: Metallkde. 45, 593 und 599 (1954). — [34] GUINIER, A.: Phys. Radium 8, 124 (1942). Physica 15, 148 (1949). WALKER, C. B. und A. GUINIER: Acta Met. 1, 568 (1953). — | BELEBOCH, B. und A. GUINIER: Acta Met. 3, 370 (1955). — | BELEBOCH, B. und A. GUINIER: Acta Met. 3, 370 (1955). — | GEROLD, V.: Z. Metallkde. 46 623 (1955). — [38] BLIN, J. A. GUINIER: Compt. Rend. 233, 1288 (1951). Compt. A. GUINIER: Compt. Rend. 233, 1288 (1951). Compt. A. GUINIER: Compt. Rend. 233, 1288 (1951). Compt. Maturforschg. — [40] DEXTER, D. L.: Phys. Rev. 90, (7 (1953). — [41] KLUG, H. P. und L. E. ALEXANDER: X-Ray Diffraction Procedures for Polycrystalline and Amorphous Materials, Chapman and Hall, London 1954.—
[42] Peiser, H. S., H. P. Rooksby und A. J. C. Wilson: X-Ray Diffraction by Polycrystalline Materials. The Institute of Physics, London, 1955.— [43] Kratky, P.: Kolloid-Z. 144, 110 (1955).— [44] Gebold, V.: Acta Crystallogr.— [45] Guiner, A. und G. Fourner: J. Phys. Radium 8, 345 (1947). Kratky, O., G. Porod und L. Kahovec: Z. Elektrochem. 55, 53 (1951).

Dr. Volkmar Gerold, Institut für Metallphysik am Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart.

Buchbesprechungen

Pluvinage, Ph.: Eléments de Mécanique Quantique. Paris: sson & Cie. 1955. XII und 547 Seiten. ffrs 4600.

Im Vorwort gibt uns der Verfasser ausführlich darüber

skunft, welchen Zweck er mit seinem Buch verfolgt.
Mit großer Offenheit spricht er seine Ansicht über anbliche Mängel des Physik-Unterrichts an den französischen niversitäten aus. Er hebt die Kluft hervor zwischen dem sist des Unterrichts und derjenigen Physik, die in den rschungszentren der Kulturländer wirklich getrieben wird. er Verfasser gesteht folgendes: Nachdem er das höchste miversitätsdiplom in Physik erworben hatte, und auf dem ebiet der Theoretischen Physik arbeiten wollte, wäre er zu er bitteren Erkenntnis gelangt, daß er sein Studium von nem sehr niedrigen Niveau aus hätte neu beginnen müssen. r meint auch, daß seine Kameraden von der Experimentalnysik, besonders wenn sie auf den Gebieten der Atom- oder ernphysik arbeiten wollten, nicht besser daran wären. Er bt zu, daß es einzelne höchst fähige Universitätslehrer ibe und daß die Verhältnisse sich in den letzten 15 Jahren ilweise, aber nicht allgemein, gebessert hätten.

Als Hauptzweck des vorliegenden Buches bezeichnet es un der Verfasser, einen Beitrag zur Verbesserung des niversitätsunterrichts in Physik zu leisten. Der Stoff des uches solle im 2. Jahr der "Licence" d. h. im 3. Jahr deshysik-Studiums in einfachster Form behandelt und im bleenden "3. Zyklus" vervollständigt und vertieft werden. Das Buch enthält die nichtrelativistische Quantenmechaikt des Ein, und Mahrkärrenreblems mit violen Anweiten.

ik des Ein- und Mehrkörperproblems mit vielen Anwen-ungen und die halbklassische Theorie der Strahlung. Sein halt ist daher im Großen und Ganzen übereinstimmend mit

em anderer moderner Lehrbücher der Quantenmechanik.
Die mathematischen Voraussetzungen sind nur die übchen; die notwendigen Definitionen und Sätze aus der heorie der Operatoren, Matrizen, Spinoren und speziellen unktionen werden in rein mathematischen Abschnitten ehandelt. Die Gleichungen von HAMILTON und von HAMIL-ON-JACONI werden vorausgesetzt, die Grundlagen der klassi-ehen statistischen Mechanik aber ziemlich ausführlich

Die Eigenarten des Buches sind vor allem die folgenden: unächst wird die Theorie der Systeme von 1 Freiheitsgrad ollständig durchgeführt und angewandt. Diese Kapitel ehmen etwa ein Drittel des Buchumfanges ein. Dies mag om didaktischen Standpunkt aus gut sein, führt aber doch i recht vielen Wiederholungen. Wohl ebenfalls aus di-aktischen Gründen wird bei speziellen Problemen oft die lassische und die quantentheoretische Behandlung nebennander gestellt.

Die Ableitungen sind meist von vorzüglicher Klarheit und

ieten oft einen ästhetischen Genuß.

Die Verdienste von L. DE BROGLIE um die Wellenmecha-ik werden besonders hervorgehoben, ohne aber die Ver-ienste der andern Pioniere der Quantentheorie zu schmälern. Vielfach wird auf die Originalliteratur oder auf andere ücher verwiesen, besonders auch auf deutsche Lehrbücher

der Handbuchartikel (SOMMERFELD, R. BECKER, HERZ-

ELD, BETHE).

Bei einem Vergleich mit modernen in deutscher oder
Lebebischere der Quantennglischer Sprache erschienenen Lehrbüchern der Quantennechanik ähnlichen Umfangs (z. B. Döring, Blochinzew, CHIFF) kann man neben vielen Verschiedenheiten, deren

Beurteilung eine Frage des Geschmacks ist, wohl als Vorzug des vorliegenden Buches seine Reichhaltigkeit in den An-wendungen auf spezielle Probleme feststellen. Die ori-ginellen Züge des Buches dürften aber wohl kaum ausreichen, um zu einer wesentlichen Verbreitung in Deutschland neben den andern guten Darstellungen der Quantenmechanik zu G. HETTNER.

Photographie et Cinematographie Ultra-Rapides. Berichte des 2. internationalen Kongresses in Paris 1954. Herausgegeben von P. Naslin u. J. Vivie. Paris: Dunod-Verlag 1956. XXVIII u. 455 S. Großquart mit zahreichen zum Teil farbigen Abbildungen. Ganzl. 6000 Frs.

Die heute vielfach durch Unterstützung der Unesco sehr verbilligten ausführlichen Berichte über internationale Tagehören zu den wichtigsten Informationsquellen, welche die Handbücher und Monographien aufs beste ergänzen. So bringt der prächtig (auch mit Farbbildern) ausgestattete Band einen umfassenden Überblick über den heutigen Stand der Kurzzeitphotographie und Überschallkinematographie. Die erste Vortragsfolge bringt geeignete Lichtquellen für Einzelblitze und Blitzfolgen. Eine vollkommene Lösung stellt die Belichtung durch den kurz aufleuchtenden Brennfleck einer Kathodenstrahlröhre dar (Belichtungszeit 10⁻⁸ sec.) Sie ist durch Kinoaufnahmen z. B. der Ausbreitung eines auf eine Glasplatte auffallenden Wassertropfens illustriert. Auch die Gleitfunkenlichtquelle und die Röntgenblitzeinrichtungen (im 2. Teil behandelt) sind bemerkenswert. Der 3. Teil ist der Kerrzelle als Kurzzeitverschluß gewidmet, der 4. den mechanisch-optisch arbeitenden Schnellkinoaufnahmegeräten. Im 5. Teil werden die Anordnungen behandelt, bei denen das Bild in einzelne Elemente zerlegt wird. Im 6. Teil werden die geeigneten Emulsionen besprochen, im 7. die technische Ausführung intensiver Lichtquellen. Vom 8. Teil an kommen die Anwendungen (Metallbearbeitung, Ballistik, Stoß- und Bruchvorgänge, Schlierenaufnahme, biologische Vorgänge, Schweißprozesse und Zerstäubung). Alle diese Dinge werden durch prozesse und Zerstaubung). And diese Binge werden da prachtvolle Aufnahmen illustriert, deren Beschreibung nur ein schwaches Abbild geben würde. Wer immer mit Kurzzeit-photographie zu tun hat, wird aus diesem Kongreßbericht das neueste entnehmen.

Evans, R. D.: The Atomic Nucleus. New York — Toronto — London: McGraw-Hill 1955. VIII, 972 Seiten und zahlreiche Abbildungen. Ganzleinen £ 5.9.

Während es in der Kernphysik für jedes Teilgebiet ausgezeichnete Monographien gibt, die zusammen eine kleine Bibliothek füllen, fehlte es an einem zusammenfassenden Lehrbuch höherer Stufe, das etwa einem Lehrbuch der Hüllenphysik wie SOMMERFELDS Atombau und Spektrallinien entspricht. Diese Lücke ist nun durch das vorliegende Werk ausgefüllt. Die An-Lucke ist hun unter das vorliegende werk ausgerunt. Die Alf-ordnung des Stoffes ist ganz nach den Gesichtspunkten der Kernphysik durchgeführt, wobei die theoretischen Hilfsmittel jeweils dort, wo sie gebraucht werden, kurz entwickelt werden. So wird z. B. im II. Kapitel "Radien der Kerne" der Gamov-Berg erläutert. Zu diesem Zweck wird hier die nichtrelstivistische Schröder-Gleichung und das Unbestimmtheits-prinzip auseinandergesetzt. So erfordert das Buch, wenigstens im Prinzip, keine anderen Vorkenntnisse als die einfache Mathematik und einiges physikalisches Denkvermögen. Die einzelnen Kapitel behandeln: Kern-Ladung, -Größe, -Masse, -Momente und ihre Folgen, -Statistik (hier ist der vielfach mysteriös erscheinende Begriff der Parität als eine Eigenschaft der Wellenfunktion klar herausgestellt), Isotopenhäufigkeit, System der Kerne, Bindungsenergie, Kernkräfte, Kernmodelle, Kernreaktionen und ihre Wirkungsquerschnitte, radioaktiver Zerfall, α - und β -Spektren, Ionisierung durch Strahlen, Streu- und Absorptionsvorgänge, Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung und Kernen, statistische Schwan-kungen. In 4 größeren Anhängen wird die Thomson-Streuung, Transformation des Koordinatensystems (Schwerpunkt-Labor), ausführliche wellenmechanische Behandlung der Potentialschwelle und relativistische Mechanik behandelt. Es wird vielleicht ein Kapitel über Mesonen vermißt, diese aber sind gemäß dem Prinzip, daß die Kerneigenschaften und -Vorgänge die Stoffeinteilung bestimmen, auf die entsprechenden Ab-schnitte aufgeteilt. Ein sehr reiches Literaturverzeichnis ist für dieses Buch fast als selbstverständlich zu bezeichnen. Besonders anregend sind die jedem Abschnitt angefügten Aufgaben, deren Lösungen allerdings, wie in allen amerikanischen Lehrbüchern, nicht angegeben sind.

Wer ernstlich die Kernphysik erarbeiten will, der greife zu diesem Buch und lese nicht nur den Text, sondern löse auch die Aufgaben: freilich, die experimentelle Erfahrung wird ihm damit nicht geschenkt.

G. Joos. damit nicht geschenkt.

Borgnis, F. E. und Ch. H. Papas: Randwertprobleme der Mikrowellenphysik. Berlin/Göttingen/Heidelberg: Springer 1955, XV, 266 S. mit 75 Textabb. Ganzl. DM 48,

Das Buch befaßt sich mit einer Methode zur angenäherten Lösung solcher Beugungs- und Strahlungsprobleme der Mikrowellenphysik, bei denen strenge Lösungen nicht existieren oder nur sehr umständlich und schwierig zu gewinnen sind. Diese Näherungsmethode, die von Schwinger 1944 angegeben wurde, ist immer dann anwendbar, wenn die gesuchte Größe als eine Art von Mittelwert, evtl. als Integral über eine Randfläche oder Randkurve darstellbar ist. Es handelt sich bei diesem Problem also nicht um die möglichst genaue Berechnung z. B. der Feldverteilung selbst, sondern um die Ermitt-lung von Größen, die durch Integrationen dieser Feldverteilung über bestimmte Flächen daraus abgeleitet wurden, z. B. dem Streuquerschnitt eines beugenden Zylinders, den Abschlußleitwert einer Leitung, den Transmissionskoeffizienten einer Blende, die Eingangsimpedanz einer Antenne usf. Befindet sich in dieser Integralgleichung unter dem Integral neben dem bekannten Kern, (der fast immer aus einer Greenschen Funktion hergeleitet werden kann), noch eine unbekannte Funktion, die man genau kennen müßte, um die Integral-gleichung streng aufzulösen, z. B. wie die Stromverteilung auf der Oberfläche eines Leiters, so wird diese Funktion durch einen angenäherten plausiblen Verlauf ersetzt, aber das Integral wird vorher nach dem Vorschlag von Schwinger in den "stationären" Zustand gebracht, d. h. invariant gemacht ge-genüber einer kleinen Variation dieser unbekannten Funktion, was immer möglich ist. Es lassen sich nach diesem Verfahren mit recht rohen Näherungen erstaunlich gute Annäherungen des Resultats an den strengen Wert erreichen.

Das Buch gibt eine systematische Einführung in die Anwendung dieses Verfahrens für sehr verschiedene Mikrowellenprobleme. Die Anwendung für andere Gebiete wie Mechanik

und Quantentheorie ist analog.

Ein kurzer Überblick über die behandelten Probleme ergibt: Streuung elektromagnetischer Wellen am Kreiszylinder, die offen abstrahlende koaxiale Leitung mit Schirm am Ende, unstetiger Übergang zwischen zwei koaxialen kreiszylindrischen Leitungen, kapazitive und dazu induktive Blende im rechteckigen Hohlleiter, Grenzfrequenz von zylindrischen Hohlleitern beliebigen Querschnitts, Eigenfrequenzen von Hohlraumresonatoren beliebiger Gestalt, Weitwinkelkonusantennen und die zylindrische Antenne bis zur Hallenschen Integralgleichung dieser Antenne.

Vorausgesetzt wird nur die Kenntnis der Maxwellschen Theorie und der klassischen Behandlung der Wellengleichung, dagegen nicht die Kenntnis von Integralgleichungen. Die Greensche Funktion wird sowohl für den skalaren als auch für den vektoriellen Fall für die verschiedenen Anordnungen

ausführlich erläutert.

Das Buch stellt nach Meinung des Referenten eine sehr wertvolle Bereicherung des deutschen Schrifttums dar. Es ist den Verfassern sehr zu danken, daß sie sich die große Mühe gemacht haben, die für uns fast unzugänglichen und nicht leid lesbaren Arbeiten J. Schwingers und seiner Nachfolger sammeln und in eine Form zu bringen, die es nunmehr jed Leser möglich macht, diese elegante und so notwendige 1 thode auch selbst anzuwenden. Besonders wertvoll ist auch Literaturverzeichnis, das zweckmäßig die Zitate an den Stell bringt, wo sie für genaue Orientierung erwünscht sind. W. O. Schumann

Flügge, J.: Leitfaden der geometrischen Optik und d Optikrechnens. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 195 202 S. u. 119 Fig. Ganzleinen DM 19,80.

Es ist schon mehrfach gesagt worden: "Ein Lehrbuch d geometrischen Opitk muß erst noch geschrieben werden Nun, das vorliegende Buch erfüllt hinsichtlich des Aufba und der ausgewogenen Stoffauswahl alle Forderungen, die m billigerweise an ein einführendes Lehrbuch stellen kann. Rec geschickt werden z.B. die Blenden nicht durch allgemei Betrachtungen, sondern an Hand konkreter Beispiele ei geführt und dann die allgemeinen Gesetze besprochen. (D deduktive Ableitung aller optischen Beziehungen aus allg meinen Prinzipien ist es, was die meisten Bücher zwar für de Fachmann ästhetisch, für den Anfänger aber unlesbar macht Ausgezeichnet sind die photometrischen Gesetze herausg arbeitet. Die Bildfehler 3. Ordnung sind elementar und dam durchsichtig abgeleitet. Besonders wertvoll ist das Beispi eines völlig durchgerechneten Strahlenganges eines photografie phischen Tripletts. Wenn für eine Neuauflage eine Anregur erlaubt sei, so ist es die explicite Behandlung der Bildgröf unendlich ferner, im Winkelmaß gemessener Objekte, weil hi die abenteuerlichsten Vorstellungen verbreitet sind.

Schulz-Methke, H. D.: Photoelemente und Kristal Photozellen. Berlin: J. Schneider 1955. 144 S. u. 125 Abl Kart. DM 7,50.

Neben einer Zusammenstellung der technischen Ausfül rung von Photoelementen, Kristallphotozellen und photoele trischen Geräten liegt das Hauptgewicht auf der Anwendur photoelektrischer Meß -und Schaltanlagen. Lichtmeßtechnik Farb- und Trübungsmessung, spektroskopische Analyse, licht elektrische Schalt-, Zähl- und Steuergeräte sind einige der be handelten Punkte. Natürlich wurden auch die für den Nicht fachmann stets eindrucksvollen Lichtschranken nicht ve gessen. Die für lichtelektrische Messungen gebräuchlichste Meß- und Registrierinstrumente werden auch gleich erläuter Bei der Kürze des Buches ein umfangreiches Programm! Le der können die meisten der angeschnittenen Fragen nur rech summarisch behandelt werden, was ganz besonders für di eingangs skizzierten physikalischen Grundlagen gilt. Für ei vertieftes Studium muß der Leser auf die vor dem Inhaltsvei zeichnis zusammengestellten ausführlicheren Bücher zurück greifen. Wer sich aber lediglich einen raschen Überblick übe die Eigenschaften und modernen Anwendungsmöglichkeite die Eigenschaften und modernen Anwendung von Photoelementen verschaffen will, findet hier eine an schaulighe Übersicht. W. WAIDELICH.

Espe, W. u. A. Kuhn: Elementare Grundlagen der Kern physik. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft Geest Portig 1955. VIII u. 147 S. u. 43 Abb. Geb. DM 14,-

Das Buch enthält im Vergleich zu seinem geringen Um fang erstaunlich viel Material zur Kernphysik. Dies wurd dadurch ermöglicht, daß die Ergebnisse meist als gegeben Tatsachen mitgeteilt werden, ohne daß viel darauf einge gangen wird, wie man zu ihnen kam. Es sind daher auc keine Versuchsanordnungen beschrieben. Dafür sind viel Tabellen und Diagramme gegeben, die man selbst in größere Werken nicht immer findet, z.B. eine Darstellung der a Zerfallsenergie aller a-Strahler als Funktion des Atom gewichtes, wobei die Isotopen sich in verhältnismäßig glatte annähernd gerade Kurven ordnen. Ein breiter Raum ist de Kernspaltung gewidmet. Sehr wertvoll sind die Tabelle über die Toleranzdosen von Strahlen und radioaktiven Iso topen, die einverleibt werden. Endlich sind auch Kurven zu Höhenstrahlung gegeben. Eine Schluß-Tabelle aller Isotope und ihrer Eigenschaften (ohne Momente) nimmt 34 Seiter ein. Die im Anhang gegebene Übersetzung der wichtigster Fachausdrücke von Deutsch in Englisch, Französisch und Russisch und umgekehrt, wird vielen Lesern willkommer G. Joos.